低温固相放射線照射により生成した イオンラジカル種の構造と反応 -分子分光及び分子軌道法による研究-

1997年度

板垣吉晃

低温固相放射線照射により生成したイオンラジカル種の構造と反応

- 分子分光および分子軌道法による研究 -

目次

另一 早	1
1.1 緒言	1
1.2 研究の背景	1
1.3 研究の目的と内容	2
1.4 ラジカル研究における ESR 法の有用性	4
1.5 低温放射線法によるイオンラジカル種の生成	4
1.6 分子軌道計算によるスピン密度の評価	5
参考文献	8

第二章 アセチレンアニオンラジカルービニリデンアニオン

ラジカル光異性化反応	9
2.1 はじめに	9
2.2 実験	.11
2.2.1 試料	.11
2.2.2 γ線および光照射	.11
2.2.3 ESR および電子スペクトル測定	.11
2.3 分子軌道計算	.11
2.3.1 構造最適化	.11
2.3.2 hf、g値の評価	.12
2.3.3 <i>ab initio</i> 法による電子スペクトルの帰属	.12
2.4 実験および計算結果	.12
2.4.1 アセチレンアニオンラジカルの ESR	.12

2.4.2 アセチレンアニオンラジカルービニリデンアニオンラジカル
光異性化反応16
2.4.3 分子軌道計算による ESR パラメーターの評価
2.4.4 gテンソルの評価
2.4.5 アセチレンアニオンラジカルおよび
ビニリデンアニオンラジカルの電子スペクトル
2.5 まとめ
参考文献
第三章 メチルアセチレンアニオンラジカルの電子構造29
3.1 はじめに
3.2 実験
3.2.1 試料
3.2.2 γ線および光照射
3.2.3 メチルアセチレンアニオンラジカルの生成構
3.2.4 ESR および電子スペクトル測定
3.3 分子軌道計算
3.3.1 構造最適化
3.3.2 hf及びgテンソルの評価
3.4 実験結果
3.4.1 メチルアセチレンアニオンラジカルの ESR スペクトル
3.4.2 メチルアセチレンアニオンラジカルの電子スペクトル
3.5 分子軌道計算
3.5.1 メチルアセチレンアニオンラジカルの構造最適化
3.5.2 INDO/ANADIP による超微細結合定数の評価
3.5.3 gテンソルの評価
3.6 考察
3.6.1 メチルアセチレンアニオンラジカルの ¹ H-hf
3.6.2 メチル基置換効果
3.7 まとめ

参考文献	5
------	---

第四章 フッ素置換ベンゼンカチオンラジカルの

		ESR と電子構造	47
4.	.1 は	じめに	47
4.	.2 実	験	47
4.	.3 分	子軌道計算	50
4.	.4 結	果と考察	50
	4.4.1	C ₆ H ₅ F+ラジカル	50
	4.4.2	1,2-C ₆ H ₄ F ₂ +ラジカル	50
	4.4.3	1,3-C ₆ H ₄ F ₂ +ラジカル	52
	4.4.4	1,4-C ₆ H ₄ F ₂ +ラジカル	55
	4.4.5	1,2,4-C ₆ H ₃ F ₃ +ラジカル	55
	4.4.6	1,2,4,6-CH ₂ F ₄ +ラジカル	57
	4.4.7	2,3,5,6-C ₆ H ₂ F ₄ +ラジカル	57
	4.4.8	C ₆ HF ₅ +ラジカル	57
	4.4.9	C ₆ F ₆ +ラジカル	59
	4.4.1	0 フッ素置換ベンゼンカチオンラジカルのスピン密度分布	
4.	5 分	子軌道計算による構造最適化とスピン密度分布の評価	60
	4.5.1	スピン密度の評価法	60
	4.5.2	C ₆ H ₅ F+ラジカル	60
	4.5.3	1,2-C ₆ H ₄ F ₂ +ラジカル	62
	4.5.4	1,3-C ₆ H ₄ F ₂ +ラジカル	62
	4.5.5	1,4-C ₆ H ₄ F ₂ +ラジカル	63
	4.5.6	1,2,4-C ₆ H ₃ F ₃ +ラジカル	63
	4.5.7	1,2,4,6-CH ₂ F ₄ +ラジカル	63
	4.5.8	2,3,5,6-C ₆ H ₂ F ₄ +ラジカル	65
	4.5.9	C ₆ HF ₅ +ラジカル	65
	4.5.10)フッ素置換効果	66
	4.5.11	¹⁹ F-hfの実験値と計算値の比較	

4.6 まとめ	
参考文献	
第五章 フッ素置換アルケンカチオンラジカルの	
ESR と電子構造	
5.1 はじめに	
5.2 実験	
5.3 分子軌道計算	
5.4 実験結果	
5.4.1 CF ₂ =CH ₂ +ラジカル	
5.4.2 CF ₂ =CHF ⁺ ラジカル	
5.4.3 CH ₂ =CF-CH ₃ +ラジカル	
5.4.4 (CCl ₃ F) ₂ +ダイマーカチオン	
5.4.5 CF ₂ =CFCF ₃ +ラジカル	
5.5 分子軌道法による電子構造の評価	
5.5.1 構造最適化	
5.5.2 INDO 法によるスピン密度分布並びに等方性超微細結合の評価	
5.5.3 異方性 hf テンソルの評価	
5.6 考察	
5.6.1 フッ素置換による平面安定化	
5.6.2 フッ素置換によるスピン密度分布の変化	
5.7 まとめ	
参考文献	

第六章 被照射 Ag+交換 A型ゼオライト中における Ag+の挙動と

复合体のキャラクタリゼーション9	Ag-NH3 複合位		
	じめに	1 は	6.1
	験方法	2 実	6.2
泉照射9	試料およびγ線照射	6.2.1	6.

6.2.2 ESR 測定
6.2.3 分子軌道計算
6.3 結果および考察
6.3.1 Ag クラスターカチオン
6.3.2 Ag-NH ₃ 複合体の生成
6.3.3 [AgNH ₃] ⁰ の電子構造103
6.3.4 [Ag(NH ₃) ₂] ⁰ 生成の可能性
6.4 考察
6.4.1 Ag ゼオライト中での[AgNH ₃] ⁰ および[Ag(NH ₃) ₂] ⁰ の
生成機構およびその位置108
6.4.2 Ag クラスターの生成阻害
6.4.3 NH ₃ 吸着圧の効果111
6.4.4 Ag 交換率の効果111
6.5 まとめ
参考文献
第七章 総括
謝辞 119
117
※主会立リフト
光衣禰又リスト

第一章 序論

1.1 緒言

ラジカル種とは分子内に不対電子を有する化合物の総称である。ラジカル種は、さらに共有 結合のラジカル的切断などに伴って生成するフリーラジカルと一電子酸化および還元によって 生成するイオンラジカル種に大別される。いずれの場合においても不対電子を有することから 一般に反応性に富み、放射線分解反応、電気化学反応、触媒反応など化学反応の中間体となり うる。従って、ラジカル種の電子構造の解明は反応機構解明の糸口となることは容易に予想で きる。さらに、イオンラジカルにはカチオンラジカルとアニオンラジカルがあり、それぞれ、 HOMO からの一電子を取り除く(一電子酸化)、LUMO へ一電子を加える(一電子還元)によって 生成する。したがって、イオンラジカルの構造はそれぞれの軌道の電子状態を反映している。

対称性の高い分子においては最高被占有軌道(HOMO)は縮退しているが、一電子酸化およ び還元によりイオンラジカルになると、ヤーンーテラー効果により縮退が解け、分子の対称性 が低下する場合がある¹。この現象は分子構造学上非常に興味深く、これまでにさまざまなイオ ンラジカル種の構造に関する研究が行われてきた。

電子スピン共鳴法(ESR)はこれらラジカル種の研究に対して最も有効な手段となり得る。ESR の測定対象はラジカル種に限られていることから、選択的なラジカル種の検出が可能である。 また、磁気モーメントの大きい電子スピン(μ_β=9.2741×10⁻²⁴ J/T)をプローブとしていることか ら、高感度な測定が可能である。

1.2 研究の背景

イオンラジカルは一般に極めて不安定な化学種であることから、溶液系では比較的安定な多 環芳香族炭化水素(アントラセン、ペリレン等)²など主に取り上げられ、その電子構造が研究さ れてきた²。これらの研究では、電解及び化学酸化還元によりイオンラジカルの生成、観測が行 われてきた。しかし、不活性なマトリックスに溶解し低温固相中で放射線照射を行うことによ り、目的とするイオンラジカルを選択的に生成かつ安定化することが可能である。1978年に Shida らにより、イオン化ポテンシャルの大きいハロカーボンマトリックス中の有用性が見出 された³。この系においては、目的とするカチオンラジカルに加え、マトリックス由来のラジカ ル種が生成し、ESR の検出対象となる。しかしながら、ハロカーボンの ESR は ¹⁹F の大きな異 方性 hf を有することから、その線形は極めてブロードであり、カチオンラジカルの線形にほと んど影響を及ぼさない。これらの低温固相マトリックス単離-ESR(MI-ESR)が確立されて以来、 低温固相において、さまざまな有機カチオンラジカルが安定に捕捉され、ESR による観測が行 われてきた1,4%。以前の溶液系ではイオンラジカルの分子運動が活発であり、イオンラジカルの 分子運動による平均化構造のみが観測されていた。しかしながら、低温固相における凍結状態 における観測により、いくつかのイオンラジカルの構造は母分子のそれと異なることが分かっ てきた。特に、対称性の高い分子においてはその HOMO は縮退しているが、イオンラジカルに なることによりその縮退が解け、対称性の低下が見られる場合がある。Shiotaniら¹⁰は、77K において 1,1-ジメチルシクロヘキサンのカチオンラジカルの ESR を観測し、その結果不対電子 は一つの C-C 結合に局在し、この結合が伸長することにより対称性の低下が起こることが見出 した。また、温度上昇に伴う分子運動により、反対側の C-C 結合との間で伸縮交替運動が起こ ることが示唆された。不飽和化合物においては、77Kにおいて CH₃C≡CH+や CH₃C≡CCH₃+ の ESR¹¹が観測されている。これらのカチオンラジカルは昇温により、環化反応を起こすこと が報告されている。種々のマトリックスを用いたアニオンラジカルの生成および ESR による観 測も成されてきた。アニオンラジカルのマトリックスは電子親和力の小ささから、放射線照射に より系内に捕捉電子が生成する。2-メチルテトラヒドロフラン (2-MTHF)マトリックス中に生 成した捕捉電子は 1962 年に Hart ら ¹²及び Rao ら ¹³によって報告されている。アニオンラジカ ルの生成においてこの電子が還元剤として働く事になる。77Kにおいて2-MTHF中で生成した テトラフルオロエチレンアニオンラジカル(TFE)は非平面構造 14 をとり、95K では 2 分子環付 加反応15を起こすことが報告されている。

このように、イオンラジカルの研究はマトリックス単離法とイオン化放射線照射法を組み合わせ、主に ESR とともに進められ、その電子構造が解明されてきた。

1.3 研究の目的と内容

本研究の目的は以下の通りである。

1. 低温におけるイオン化放射線照射により新規のイオンラジカルをマトリックス中に生成、単 離し、ESR による直接観測を行う。

2. ESR より得られた磁気パラメーターを理論的に評価し電子構造を解明する。

3. 生成したラジカル種の光または熱反応性について検討する。

イオンラジカルの電子構造を解明することの重要性は前項で述べた通りであるが、マトリック ス単離法を用いれば、他の溶質分子との相互作用を避けることにより、一分子本来の性質を解 明することが可能である。また、ESR パラメーターは電子構造に対して敏感に変化しうること から、分子軌道法を用いてそれらを評価することは、電子構造を解明するためには極めて有効 な手段となりうる。本研究では、ESR の等方性 hf に加え、異方性 hf さらに g 値の評価を行った。 異方性パラメーターはラジカル種のスピン密度分布や軌道のエネルギーに対する知見を与える ことから、極めて重要なパラメーターと言える。

以上の目的に基づいて、以下のような研究を行った。

第二章では、2-MTHFマトリックス中に生成したアセチレンアニオンラジカルに光照射を行い、ビニリデンラジカルへの分子内水素転移による異性化反応を見出した。この異性化反応はこれまでアルカリ金属カチオン存在下で報告されてきたが、金属カチオン不在の有機マトリックス中で確認されたのはこれが初めてである。本研究ではさらに、電子スペクトル測定を行いビニリデンアニオンラジカルの電子構造について EPR 法および分子軌道法と併せて考察した。

第三章では、2-MTHF ガラスマトリックス中にメチルアセチレンアニオンラジカル(CH₃C≡ CH·)を準安定に生成捕捉し、EPR 法さらに分子軌道法により電子構造についての議論を行った。 アセチレンアニオンラジカルの電子構造は以前に報告されており、EPR によりトランスに曲が った構造が示唆されている。本研究では最も簡単なアルキル誘導体を用い、アルキル置換効果 について議論した。

第四章では、選択的フッ素置換ベンゼンカチオンラジカルの電子構造について EPR と分子 軌道計算を基に議論した。カチオンラジカルの SOMO はフッ素置換数および位置の変化に伴っ て変化した。また、本研究では INDO 法によるフッ素 2s および 2p₂ 軌道のスピン密度を評価し た。それぞれのカチオンラジカルのフッ素等方性および異方性 hf の実験値とスピン密度の計算 値の間に直線的な相関を得た。

第五章では、選択的フッ素置換エチレンおよびプロピレンカチオンラジカルの EPR を観測 し、分子軌道法と併せて電子構造の評価を行なった。エチレン、プロピレンカチオンラジカルは 非平面構造を有することが報告されているのに対し、フッ素置換体ではいずれも平面構造をと ることが分かった。また、フッ素 hf と INDO 法で評価したフッ素スピン密度の関係は、第三章 におけるフルオロベンゼンカチオンラジカルのそれに従っていることが分かった。

第六章では、NH₃を導入した低交換 Ag_{0.1}Na_{11.9}A ゼオライトへのγ線照射によって、二種の Ag-アンモニア複合体が生成することが EPR により分かった。また、同ゼオライト中では一配位 複合体、AgNH₃が二配位複合体、Ag(NH₃)₂より安定であることが分かった。AgNH₃の分子軌道 計算結果において実験との良い対応が見られた。さらに、NH₃導入によって、Ag クラスターの 生成が阻害されることが分かった。

- 3 -

1.4 ラジカル研究における ESR 法の有用性

ラジカル種の研究には ESR が最も有力な手段となることから、これらの研究は ESR 法とと もに発展してきたことを述べてきた。ここでは、ESR 法のラジカル種の研究への応用について 具体的に概説する。

a.ラジカル種の検出: ESR は測定プローブが不対電子であることから、ラジカル種のみを選 択的に検出することができる。従って、ラジカル種の有無やそれらの量を知ることができる。 これはアラニンなどを用いた、放射線線量計に応用されている。

b.ラジカルの電子構造: ESR から得られる磁気パラメーターには電子と核の磁気的相互作用 による超微細構造、電子の軌道角運動量に関するg値などがあり、それぞれ磁気的異方性を持 ち得る。前者はラジカル分子中におけるスピン密度分布や核スピンまたは磁気モーメントに関 係しており、後者はスピン密度分布に加えて、励起状態を反映している。従って、これらのパ ラメーターはラジカル種の電子構造を敏感に反映している。これらの特徴は ESR がラジカルの 電子構造に対して定量的な知見を与えることを示している。

c.ラジカル種の分子運動: ESR の超微細構造の変化、さらには線幅に影響する緩和時間の測定 によりラジカル種の分子運動性について評価することができる。これは、前節で述べた低温固 相マトリックス中のラジカル種の運動に関する研究のみならず、スピンプローブ、ラベル法を 用いた多孔体や液晶などの構造解析にも応用されている。例えば、いくつかの金属カチオン交 換ゼオライトにスピンプローブとして NO や NO₂を導入し、その運動性からゼオライトの構造 について評価することができる^{16,17}。

1.5 低温放射線法によるイオンラジカル種の生成

常磁性種は反磁性種に比べるとその天然存在比は著しく小さい。しかしながら、放射線照射 法を応用することにより、常磁性種を生成させることができ、また液体窒素やヘリウムなどの 冷媒を用いた低温照射により常磁性種を安定化し観測することが可能である。例えば、アルキ ルラジカルは放射線照射によるアルカン中の C-H 結合解裂に伴って生成し、低温で安定化され る。常磁性種の中でも一般的に一電子酸化還元で生成するイオンラジカルは不安定であり、通 常の方法では系内に捕捉することは困難である。しかしながら、低濃度のマトリックス溶液を用 い、低温での放射線照射によりイオンラジカルを系内に捕捉することが可能である。これを低温 固相マトリックス単離法¹⁻³という。この方法が見出されて以来、ESR および電子スペクトルに よるイオンラジカルの研究が盛んに行なわれてきた。それぞれの研究の目的に応じて適当なマ トリックスが用いられてきた。フレオンなどに代表されるハロカーボンはそのイオン化ポテン シャルの大きさと、反応性が乏しいことからカチオンラジカルのマトリックスとして頻繁に用 いられてきた^{2,3}。カチオンラジカルの生成機構は第四章で述べている。放射線照射の際、カチオ ンラジカルに加えてハロカーボン由来のラジカルが生成し、これも ESR の対象物となる。この 問題は 1.3 で述べたとおり、ラジカル中のフッ素は大きな磁気モーメントと異方性 hf を有して いるため、その線形はかなりブロードであり、カチオンラジカルの観測の妨げにはならないこと で解決される。

電子親和性が低い 2-MTHF や 3-メチルベンタン (3-MP)さらにいくつかのアルカンなどはア ニオンラジカルのマトリックスとして用いられてきた^{3,7}。また、これらは剛体マトリックスとし て知られている。また、テトラメチルシラン(TMS)やネオベンタンなどもアニオンラジカルのマ トリックスとして用いられてきた。これらのマトリックスは高い対称性を有し、溶質分子は比較 的自由に回転運動する事ができる。従って、一般に等方性でシャープな信号を得る事ができる。 つまり、マトリックスを選択することにより目的とするイオンラジカルを得たり、目的に応じ た ESR を得ることが可能である。しかしながら、上記マトリックスの短所として、分子中に核 スピンを有する核が存在しており、溶質イオンラジカルとの磁気的相互作用が起こりうること が挙げられる。とくにフルオロカーボン中の¹⁹F は大きな磁気モーメントを有している。従って、 実験結果を慎重に評価することが必要である。一般にこれらの相互作用を避けるために、核ス ピンを持たない希ガスマトリックスやパラ水素が用いられている。さらに、いくつかのゼオライ トもマトリックスとして用いられる³。ゼオライトは格子内に特徴的な空間を有していることか ら、この中に生成したラジカル種の構造、反応さらには分子運動性は極めて興味深いといえる。

1.6 分子軌道計算によるスピン密度の評価

分子軌道計算による ESR パラメーターの再現することは、ESR の実験結果を説明するための手段としてしばしば用いられる。特に以下の事項に対して分子軌道法は有力な手段となる。

a. ESR の帰属: 何種類かの非等価な核(I>1/2)を有し、従っていくつかの異なるhfが得られ る分子においては、その帰属が困難な場合が生じる。例えば、第四章で述べるフルオロベンゼン カチオンラジカルの中で、1,2,4-C₆H₃F₃+においては対称性から判断するとすべての核が互いに 非等価である。ESR の測定結果から非等価な3つのFと1つのHのhfが観測された。統計的な 判断に頼れば、それぞれのhfと核との組み合わせは多用であり、従ってESR の帰属は容易で はない。しかしながら、分子軌道計算を用いれば、そのhfを定性的または定量的に評価する事 ができる。そして最終的にはその帰属が可能となった(第四章参照)。



また、H₃とH₆のhfは線幅以下であり、ESRを用いた実験からはその値を得る事はできない。 無論、ENDORを用いた検討は可能であるが、分子軌道法からその値を推測する事も可能であ る。

このように、分子軌道法により ESR の帰属が成された事により、両者が互いに対応している とみなせる。従って、カチオンラジカルが生成している事を支持するのみならず、ESR の実験結 果は分子軌道法で評価されたカチオンラジカルの電子構造に基づいていると考えられる。

b. 電子構造の評価: ESR より得られる hf、g 値は、いずれもラジカルの構造に対して敏感 に変化しうる。言い換えれば、個々の ESR パラメーターはラジカルの構造に固有であると言える。 従って、分子軌道法により、ESR パラメーターを評価すれば、それに対応する電子構造が示唆 できる事になる。

第2章および3章で述べた、アセチレン系アニオンラジカルの ESR では、いずれも大きなエ チニルプロトンの hf が観測された。分子軌道計算による ESR パラメーターの評価の結果、い ずれの実験パラメーターもトランス型に曲がった構造に特徴的な値である事が分かった。さら に、SOMO はほぼσタイプを示している事が示唆された(第2、3章参照)。



また、第4章では分子軌道計算で評価されたフルオロベンゼンカチオンの SOMO (Singly Occupied Molecular Orbital)(S タイプ、A タイプ)は完全に ESR の結果と対応した。さらに、第 5章ではフルオロオレフィンカチオンラジカルの平面構造が分子軌道法より示唆され、この構造 を持って ESR パラメーターを再現する事ができている。

ラジカル種の電子構造またそれに対応するESRパラメーターにおいて不対電子密度分布が大きな役割をなしている。従って、精度良くスピン密度を再現することができれば、分子軌道法を 用いてESRパラメーターを再現することが可能である。ここで、ラジカルのスピン密度につい て簡単に触れる。

スピン密度は以下の式で定義される 18,19。

$$\rho = \sum_{\lambda\mu} \rho_{\lambda\mu} \varphi^*_{\mu} \varphi_{\lambda} \tag{1.1}$$

ここで、 $\rho_{\lambda\mu}$ は原子軌道 φ のスピン密度行列要素であり、次の式で表される。

$$\rho_{\lambda\mu} = \sum_{ij} \overline{\rho}_{ij} a_{\mu j}^{*} a_{\lambda i}$$
(1.2)

ここで、 $\bar{\rho}_{ij}$ は分子軌道スピン密度行列要素、 $a_{\lambda i}$ は i 番目の原子上の原子軌道関数の係数である。 また、分子軌道法は式(1.2)の係数 a を用いて以下のように表される。

$$\Phi = \sum_{i} \sum_{\lambda} a_{\lambda i} \varphi_{\lambda} \tag{1.3}$$

式(1.3)は LCAO(Linear Combination of Molecular Orbital)と呼ばれ、分子軌道法ではこの近似 を用いて分子軌道を表現している。ESR パラメーターを再現するためには、信頼性の高い分子軌 道関数 Φ を求めることが必要である。本研究で用いた半経験的方法である INDO(Intermediate Neglect Differential Overlap)法は基底関数に精度の高いスレーター型軌道関数を用いており、 同一の原子に関してのみ微分重なり(交換、反発積分)を無視しない方法である。また、一般にス ビン密度分布に対して評価が高いことから、ESR の hf の評価等に多用されている。

参考文献

- 1.例えば、(a) M.Iwasaki, K. Toriyama and K. Nunome, J. Chem. Soc. Chem. Commun. 320, 1983. (b) H. Kubodera, T. Shida and K. Shimokoshi, J. Phys. Chem., 85, 2583, 1981. (c) M. Shiotani, M. Lindgren, F. Takahashi and T. Ichikawa, Chem. Phys. Lett., <u>170</u>, 201, 1990.など.
- 2.G. Vincow, "*RADICAL IONS*", Chapter 4, Ed. by E. T. Kaiser and L. Kevan, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1968.
- 3. T. Shida, Y. Nosaka and T. Kato, J. Phys. Chem., 82, 695, 1978.
- 4. M. C. R. Symons, Chem. Soc. Rev., 393, 1984.
- 5. M. Shiotani, Mag. Res. Rev., 12, 33, 1987.
- A. Lund, M. Lindgren, S. Lunell and J. Maruani, *Molecules in Physics, Chemistry and Biology*, Vol III, p.259 Ed. by J. Maruani. Acad. Publ., Dordrecht, 1988.
- 7. T. Shida, E. Haselbach and T. Bally, Acc. Chem. Res., 17, 180, 1984.
- 8. A. Lund and M. Shiotani, Radical Ionic System, Kluwer, Dordrecht 1991.
- 9. K. Toriyama, K. Nunome and M. Iwasaki, J. Chem. Phys., 77, 5891, 1982.
- (a) M. Shiotani, N. Ohta and T. Ichikawa, Chem. Phys. Lett., <u>149</u>, 185, 1988. (b) M. Lindgren, M. Shiotani, N. Ohta, T. Ichikawa and L. Sjoqvist, Chem. Phys. Lett., <u>161</u>, 127, 1989.
- 11. K. Ohta, M. Shiotani and J. Sohma,
- 12.E. J. Hart and J. W. Boag, J. Am. Chem. Soc., 84, 4090, 1962.
- 13. P. S. Rao, J. R. Nash, J. P. Guarino, M. R. Ronayne and W. H. Hamill, J. Am. Chem. Soc., <u>84</u>, 500, 1962.
- 14. R. I. McNeil, M. Shiotani, F. Williams and M. B. Yim, Chem. Phys. Lett., 51, 433, 1977.
- 15. R. I. McNeil, M. Shiotani, F. Williams and M. B. Yim, Chem. Phys. Lett., 51, 438, 1977.
- 16. H. Yahiro, M. Nagata, M. Shiotani, M. Lindgren, H. Li and A. Lund, Nukleonika, 42, 557, 1997.
- 17. M. Nagata, H. Yahiro, M. Shiotani, M. Lindgren and A. Lund, Chem. Phys. Lett., 256, 27, 1996.
- 18.J. R. Bolton, "RADICAL IONS", Chapter 1, Ed. by E. T. Kaiser and L. Kevan, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1968.
- 19. N. M. Atherton, Principles of Electron Spin Resonance, ELLIS HORWOOD, England, 1993.

第二章 アセチレンアニオンラジカルービニリデンアセチレン

アニオンラジカル光異性化反応

2.1 はじめに

アセチレンは最も簡単な構造を持つ炭化水素の一つであるが、その構造や反応は極めて興味 深く、重要な化合物である。興味深い性質の一つとして、アセチレンは基底状態においては直線 構造を有することが知られているが、励起状態においてはトランス型に曲がった構造を持つ事 が報告されている^{1,2}。

アセチレンと種々の金属原子との相互作用は希ガスマトリックス単離 ESR 法(MI-ESR)や IR により研究されてきた³⁻¹⁴。Kasai らは Al-HC=CH、Li-HC=CH 複合体の ESR を観測し、前 者は σ 型ラジカル(Al 原子は不対電子軌道に対しトランス位を占める)であるのに対し、後者は π 型ラジカルを形成することを見出した^{3,4}。Manceron らは希ガスマトリックス中、Li-HC= CH 複合体の IR を観測し、アセチレン部位はシス型構造をとると報告した⁵。さらに、シス型 構造は、ZSM-5 ゼオライト中でも観測されている⁶。3-MP 中で観測されたアセチレンアニオン ラジカルはトランス構造をとることが報告されている^{20,21}。

また、いくつかのアルカリ金属-アセチレン複合体の光誘起反応も報告されている^{4,7,8}。例えば、 Li-cis-HC≡CHは光照射によりLi-C=CH₂に異性化を起すことが報告されている⁸(Fig.2.1参照)。 同様の反応は Na-cis-HC≡CH でも観測されている⁷。Nguyen はこの光異性化反応において Li 原子とアセチレンとの相互作用はアセチレンアニオンに比べポテンシャル障壁を約2kcal·mol⁻¹ 増加させ、従ってビニリデンをより安定化することを理論計算より報告している⁹。本研究では、 アセチレンアニオンラジカルを 77K において安定化できる 3-MP、2-MTHF を用いて、この光 反応の検出を試みた。特に、2-MTHF は極性剛体マトリックスとして知られていることから、 ビニリデンを安定化することが期待できる。アセチレンとの相互作用がより小さい 2-MTHF 等 の有機ガラス性マトリックス中でこの反応が検出されれば、ビニリデンアニオンラジカル本来 の電子構造が評価できる。

本研究では、有機ガラスマトリックス中における光照射により、アセチレンアニオンラジカ ルービニリデンアニオンラジカル異性化反応(Fig.2.1参照)が進行することがESRより確認され、 分子軌道計算により支持された。しかし、3-MP中では観測できなかった。本章では、この異性 化反応の検出、マトリックス効果、さらにはビニリデンアニオンラジカルの電子構造について 述べる。

- 9 -





(a)



(q)

2.2 実験

2.2.1 試料

試薬としてアセチレン、HC≡CH(AC、高千穂工業)、重水素置換したアセチレン、DC≡ CD(AC・&、広島大学理学部にて合成、99%D)、13C で置換したアセチレン、H¹³C≡¹³CH(AC・¹³ & 99%¹³C)を用い。これらを含む 2−メチルテトラヒドロフラン(2-MTHF、東京化成)および 3− メチルペンタン(3-MP)を調製した。AC および AC・¹³ & は購入したものをそのまま用いた。AC・ & は使用前に真空蒸留して、脱水した。2-MTHF は使用前に金属ナトリウムで処理し乾燥した。 3-MP はモレキュラーシーブス 3A に真空下で一週間接触させることにより乾燥させた。1mol% の AC、AC・& または AC・¹³ & を含む 2-MTHF、3-MP 溶液を真空ライン上で ESR サンプル管内 で調製し、液体窒素により固化させた後真空排気した。この操作を数回繰り返したのちサンプ ル管を封じ切った。

2.2.2 γ線および光照射

サンプルを液体窒素 77K 下で暗中において γ 線照射を行った。線源には約 10,000 キュリーの 6°Co を用い、照射時間は 20-30min で行った。アセチレンアニオンラジカルは 6°Co γ 線の初期 イオン化過程により生成する(Fig.3.1)。捕捉電子の光ブリーチには * Wのタングステンランプを 用い、種々のカットフィルター(R60、Y45、UV30、数字×10nm で光の透過率は 50%)により照 射波長を調節した。

2.2.3 ESR および電子スペクトル測定

ESR 測定は Bruker 社 ESP-300E により、暗所で 77K において行った。電子スペクトルは HITACHI 社 U300 を用い 77K、暗所にて測定を行った。

2.3 分子軌道計算

2.3.1 構造最適化

構造最適化には *ab-initio* 法により uhf/6-31++G**レベルで計算を行った。アニオンラジカルの計算により基底関数には拡散関数を導入した。プログラムは広島大学情報処理センターの Cray システム上の *Gaussian*94 を用いた。

2.3.2 hf、g値の評価

hf は *ab initio* (uhf/6-31++G**)による最適化構造を基に、等方性項は INDO 法、さらに異 方性項の主値と主軸は uhf/INDO で評価したスピン密度分布を基に ANADIP^{22.23} により行っ た。 g テンソルの計算は以下の理論式を用いて行った。

$$g_{ii} = 2.0023 - 2\sum_{n} \sum_{k,j} \frac{\langle \phi_{o} | \xi_{k} L_{ik} \delta_{k} | \phi_{n} \rangle \langle \phi_{n} | L_{ij} \delta_{j} | \phi_{o} \rangle}{E_{n} - E_{o}}$$

(i=x,y,z) (2.1)

2.3.3 ab initio 法による電子スペクトルの帰属

電子スペクトルの帰属は ab initio-CI 法を用い、電子吸収のエネルギー(または波長)と振動子 強度(f)を求め、実験値と比較することにより行った。電子相関項には CIS(CI-Single)を基底関 数には 6-31++G**を用いた。また、最適化構造は uhf/6-31++G**により評価したものを用いた。

2.4 実験および計算結果

2.4.1 アセチレンアニオンラジカルの ESR

Fig2.2(a)に1 mol%のアセチレンを含む 2-MTHF に 77K でγ線照射後に観測した ESR スペ クトルを示す。中央の捕捉電子の信号(g=2.0023)とマトリックス由来の中性ラジカルは MA-と 同様、ここでも観測された。また、溶質由来のラジカルの信号も観測されてい

る。捕捉電子をブリーチするため、λ≥600 nm の光(R60 フィルターを使用)を 20min 照射する と、捕捉電子の信号は消滅し、溶質由来の 3 本線の強度が増加した(Fig.2.2(b))。ここで、捕捉



Fig.2.2 EPR spectra of a solid solution of 1 mol% of CH=CH in 2-MTHF irradiated by γ-rays at 77K. (a) Observed immediately after γ-irradiation; (b) after illumination with light of λ≥600 nm; (c) after illumination with light of λ≥350 nm; (d) spectrum obtained by subtracting spectrum (c) from spectrum (b); (e) spectrum simulated to (d) by using the 1H hf and g tensor seen in Table 2.1.

電子とAC·の mi=0 のシグナルが重なっていることから、ESR では捕捉電子が完全に消滅した かどうかが確認できなかった。そこで、あらかじめ電子スペクトル測定を行い。20min の照射 の後、捕捉電子の信号は消滅していることを確認した。この3本線はアセチレンアニオンラジ カル(AC⁻)の等価な2つのプロトンによるものと考えられる。電子スペクトルにおいてAC·の吸 収は345nm に観測されたことより、 $\lambda \geq 350$ nm の光を照射するとMA·と同様 AC·の信号は消滅 した(Fig.2.2(c))。そこで、Fig.2.2(b)から Fig.2.2(c)を差し引くことにより AC·のスペクトルを分 離して観測することができた。2-MTHF 中で観測された AC·の ESR スペクトルは hf および g 値の異方性をもつ3本線として観測された(Fig.2.2(d))。Fig.2.2(e)に示す ESR シミュレーショ ンにより Fig.2.2(d)のスペクトルを精度良く再現することができた(A_{xx}^{H} =5.3mT、 A_{yy}^{H} =4.6mT、 A_{zz}^{H} =4.6mT、 g_{xx} =2.0009、 g_{yy} =2.0024、 g_{zz} =2.0029)。この ESR パラメーターは Muto らが 3-MP 中で観測したパラメーター(A_{xx}^{H} =5.3mT、 A_{yy}^{H} =4.7mT、 A_{zz}^{H} =4.3mT、 g_{xx} =2.0011、 g_{yy} =2.0023、 g_{zz} =2.0027)に極めて近いものであり²⁰、プロトンの等方性 hf は4.8mT と極めて

大きい値を示した。この結果は、2-MTHF 中においても AC·はσ軌道の寄与を受け、曲がった 構造をとっていることを示唆するものである。曲がった構造をとる場合、トランス型、シス型 に加え、プロトン転移した形のビニリデンアニオンラジカル、H₂C=C·(VI·)が考えられ、いずれ の場合も磁気的等価な二つのプロトンを持ち得る。報告されているシス型構造の等方性 ¹Hhf は 6.3-7.3 mT^{13,14,19}である。また、ビニリデンアニオンラジカルでは 5.7-6.0 mT^{8,13,24}である。こ れらの値はいずれも本研究における実験値 4.8mT より大きく、Muto²⁰らの実験値に近い事から、 2-MTHF マトリックス中においてもアセチレンアニオンラジカルはトランス構造をとっている と考えられる。

Fig.2.3(c)に ¹³C で置換したアセチレン、AC⁻¹³ $_{\odot}$ を含む 2-MTHF に 77K で γ 線照射した後に Fig.2.2(d)の差スペクトルと同様の過程を経て得られた ESR スペクトルを示す。このスペクト ルは明らかに、二つの等価な H と 2 つの等価な ¹³C による 3×3 本線を示している。とくに ¹³C においては、典型的な軸対称の hf の異方性が観測されているのが特徴的である。Fig.2.3(d)に示 すシミュレーションによって実験スペクトルを再現することができた。尚、¹Hhf と g 値は Fig.2.2(d)のスペクトルと同じパラメーターをもって再現できた。また、テンソルの主軸につい ては、完全な同軸系を仮定して実測スペクトルを再現できたが、¹Hhf は z 軸は分子軸 c に一致 し、x、y 軸はそれぞれ分子軸 a、b から 0°~60°の範囲内にあり、¹³Chf は z 軸は分子軸 c に一 致し、x、y 軸はそれぞれ分子軸 a、b から 0°~90°の範囲内にあることがシミュレーションより 分かった。(A_1^{13C} =1.5mT、 A_1^{13C} =4.2mT)。武藤らが 3-MP 中で観測した ¹³Chf は A_1^{13C} ≒0mT、

 $A_{\parallel}^{^{13C}}$ =4.2mT であり ²⁰、垂直成分において 2-MTHF 中と大きく異なっている。





2.4.2 アセチレンカチオンラジカル-ビニリデンラジカル光異性化反応

2-MTHFマトリックス中77Kで観測された *trans*-CH=CH・の ESR スペクトルは入≧450 nm の光照射によって線形変化した。Fig.2.4 に光照射による ESR スペクトル変化を示している。 これらのスペクトルはいずれも 2-MTHF ラジカルのスペクトルを差し引いたものである。(a)は γ 線照射後得られた *trans*-CH=CH・である。光照射に伴い両側の *m*₁=±1の成分(図中"*a*")の外 側から新たなビーク(図中"*b*")が成長していくのが分かる。20min の光照射後、*trans*-CH=CH・ の *m*₁=±1は消滅し、新たな 5.7 mT の 3 本線が観測された。スペクトル(d)のシミュレーション により次の ESR パラメーターを得た; A_1^{IH} =5.4mT、 A_2^{IH} =6.0mT、 A_3^{IH} =5.7mT、*g*₁=2.0026、 *g*₂=2.0008、*g*₃=2.0026。なお、シミュレーション(d)は同軸系を仮定して行ったが、hf テンソル の主軸を g テンソルの主軸方向に対して 0°~30°の範囲で変化させても線形にほとんど変化が 現われなかった。

上記の ESR の変化の過程において、ESR の積分強度つまりラジカル濃度は一定であった。この結果は、ESR の変化は光照射により trans-CH = CH から新たなラジカルへ転位が起こったことを示唆している。さらに、この転位は分子内で起こっていると考えられる。分子間反応を仮定するとラジカル再結合等により減衰が起こると考えられるからである。

新たに観測された 3 本線を与えるラジカル種として、分子内に磁気的等価な 2H を有する *cis*-CH=CH·または H₂C=C·が考えられる。しかしながら、¹Hhf の大きさのみからラジカル種を 同定することは困難である。そこで本研究では、*cis*-CH=CH·では 2C は等価であるのに対して、 H₂C=C·では非等価であることに着目し、アセチレンの 2 つの炭素を ¹³C でラベルした化合物を 用いて光実験を行った。Fig.2.3(c)に示した通り光照射前には *trans*-CH=CH·の ¹³C による軸対 称の異方性 hf が明瞭に観測できている。光照射後の ESR スペクトルを Fig.2.5(c)に示している。 スペクトルはかなり複雑な線形をしており、¹³C の正確な磁気パラメーターを決定するのは困難 である。これまでのシミュレーションで最も一致の良かった結果を(d)に示している。しかしなが ら、(c)の ESR スペクトルが 2 つの磁気的非等価な ¹³C によって構成されていることは明らかで ある。2 つの ¹³C が等価である場合、2 つの等価な ¹H と併せ 3×3 本線が得られ、この場合スペク トルの中央には *m*=0 成分による強度の大きい信号が観測されるはずであるが、Fig.2.5(c)には そのような吸収線は見当たらない。したがって、Fig.2.5(c)は 3×3 本線ではなく、2 つの ¹³C が 非等価なことにより 3×2×2 本線で構成されていると考えた方が妥当である。(d)のシミュレー ションは 2 つの ¹³C が非等価であることを仮定して行った。

Taarit らは 77K で H¹⁸C=¹³CH と O·の反応により H₂¹³C=¹³C·を ESR により検出しており ²⁴、 その線形は我々の観測したものと類似している。

観測された H₂C=C·の¹Hhf は次節に示す分子軌道計算の結果と良く対応している。さらに、



Fig.2.4 Succesive change in the EPR spectrum of *trans*-CH≡CH⁻ (a) to that of H₂C=C⁻ (d) upon illumination with the light of λ≥450 nm. Spectrum (a) was observed immediately after γ-irradiation at 77 K in dark. Spectra (b), (c) and (d) were recorded after 5, 10, 20 minutes illumination. EPR simulation for spectrum (d) is shown in (e).



Fig.2.5 Experimental EPR spectra of (a) D₂C=C⁻ and (c) H₂¹³C=¹³C⁻ in
2-MTHF matrix at 77K together with the simulated spectra (dotted lines) calculated by using parameters given in the text.

				Princ	ipal values	а	
C_2H_2 radical	Matrix	_	g_{iso}, a_{iso}	Х	у	Z	ref.
			Experime	ental value.	S		
trans-HC=CH	2-MTHF	g	2.0021	2.0009	2.0024	2.0029	this work
		¹ H	48	0.5	-0.2	-03	and more
		13C	2.4	-0.9	-0.9	1.8	
	3-MP	8	2.0020	2.0011	2.0023	2.0027	20
		¹ H	4.8	0.5	-0.1	-0.5	20
		13C	1.4-1.5	-1.4	-1.4	2.8	
cis-HC≡CH ⁻	HZSM-5	g	2.0021	2.0008	2.0023	2.0032	6
		¹ H	6.5	03	0.1	-0.4	
		13C	13.0	2.0	-0.8	-1.1	
$Li^+(cis-HC \equiv CH^-)$	Ar	8	2.0023	2.0008	2.0029	2.0032	8
		¹ H	6.65	-0.45	0	0.45	0
		13C	74 ± 1	0.45	0	0.45	
	Ar	σ	2 0028	2 0039	2 0006	2 0039	17
	111	¹ H	633	-0.28	-0.1	0.37	17
$H_{a}C=C^{-b}$	2-MTHE	ø	2 0030	2 0026	2 0008	2 0026	this work
1120-0	2 MILIN	¹ H	5.7	-0.3	0.3	0	this work
		13C.	(-)2.1	0.4	0	(-)03	
		$^{13}C_{2}$	1.4	(-)2.4	44	(-)1.9	
H-C=C	MgO	¹ H	5.8	()2.1		()1.5	24
1120 0		¹³ C ₁	3.6	-2.1	-2.1	4.1	2.
$Li^+(H_2C=C^-)$	Ar	g	2.0021	2.0008	2.0023	2.0031	8
		¹ H	5.7	0.2	0	-0.2	
			Theoretic	cal values			
$trans-HC = CH^{-1}$		ø	2 0019	2 0018	2 0017	2 0023	this work
$uhf/INDO \pm A$	NADIP	14	4.12	.0.29	0.91	0.61	this work
		13C	8.61	1 97	0.91	-0.98	
PWP/IGI (¹ H	4 885	-0.305	0.610	-0.305	6
I WI/IOLO	J-111	130	2 003	2 120	1 210	1 210	0
$cis HC = CH^{-}$		a	2.0022	2.420	2 0024	2 0024	this work
ubf/INDO + AN	IADID	8 111	8.60	0.26	0.70	0.24	this work
ulli/INDO + Al	ADIF	130	13.8	-0.50	1.12	-0.54	6
PWP/ICIO	III	1H	6 500	0.252	0.504	0.252	0
I WI/IULO	- 111	130	12 215	0.820	1 678	0.820	
$L_{i}^{+}(ais UC = CU)^{-}$		1H	6.12	-0.659	0.51	-0.039	10
LI (CIS-IIC = CII)	TTT	130	7.44	0.90	1.70	-0.10	19
FWF/IGLU	- 111	C	2 0010	-0.09	1.79	-0.90	
$H_2 C = C$	ADIP	g 111	2.0019	2.0019	0.25	2.0024	this most
u = 1 + A = 1	ADIF	130	2.00	0.40	-0.35	-0.05	this work
		130	-2.09	2.40	-0.11	-0.52	
DUDICIO	III	111	5.292	-2.49	4.39	-1.90	6
rwr/IGLO	-111	130	1.602	0.290	-0.148	-0.140	0
		130	-1.003	0.382	-0.191	-0.191	
		C2	1.80	-2.415	4.830	-2.415	

Table 2.1 Experimental ¹H, ¹³C-hf in mT and g-values of C₂H₂⁻ radical anions together with calculational ones.

a; Principal values of hf are shown as dipol term, b_{ii} (*i*=x, y, z). *b*; The ${}^{13}C_1$ and ${}^{13}C_2$ corresponds to protonated and unprotonated carbons, respectively; $H_2C_1=C_2$.

Kasai らが報告した Li⁺(H₂C=C)[•]の ¹Hhf と良く一致している⁸。このようにして、光照射によっ て得られた ESR は H₂C=C[•]に帰属され、光異性化反応が 77K における 2-MTHF マトリックス 中で進行することが分かった。

本研究では、CD=CDを用いた実験も行った。その結果反応の前後でESRは完全にCH=CH の結果に対応し、²DのESRパラメーターは¹Hの約1/6.5に減少した。D体においても反応が 進行し、H体に対応するパラメーターが得られたことから、この反応は重水素転位により進行し ており、分子内反応を支持する結果となった。また、マトリックスとして3-MPを用いた実験 では、異性化は観測されなかった。この結果は、77Kにおいて3-MP中ではH₂C=C・を安定化で きないことを示唆している。Kasaiの系ではLi+はカウンターカチオンとして働き、H₂C=C・を安 定化している⁸。この結果を考慮すると、2-MTHFはLi+と同様系内でカウンターとして働き、 H₂C=C・を束縛状態として安定化できるのに対して、3-MPは極性の低さから安定化できないと 考えられる。この安定化の違いは捕捉電子にも共通して見られる。

2.4.3 分子軌道計算による ESR パラメーターの評価

Fig.2.6 に *ab initio*(uhf/6-31++G**)法により評価した(a) *trans*-HC = CH、(b) *cis*-HC = CH·並 びに(c)H₂C=C·の最適化構造を示す。(a)、(b)においてエチニルプロトンはそれぞれ C = C 結合方 向から 54.5°、47.3°と大きく曲がった位置を占めている。(a)は C_{2h}構造、(b)は C_{2v}を有している。 これらの値は炭素 sp²の値 60°に近い。さらに C = C 結合長は中性分子の値約 1.2Åより 0.1Å伸 長しているのが分かる。これは、不対電子が C = C 結合に局在し結合が緩くなったためである。 C-H 結合長も母分子の値 1.07Åから若干伸長している。(c)においても C = C 結合、C-H 結合は それぞれ母分子より若干伸長した。C-C-H 結合角はほとんど変化していない。それぞれの Total Energy(全電子エネルギー)は-76.753、-76.743、-76.770 hertree であり、(c)が最も安定と評価 された。Sakai らが MP3 レベルで計算した結果においても H₂C=C·が上記の 3種のアニオンラジ カル中最も安定と評価されている¹⁶。

次に、これらの最適化構造をもとに INDO 法による ¹H の等方性 hf の評価を行なった。結果 を Table2-1 に示している。それぞれ、4.12(*trans*-HC \equiv CH⁻)、8.60(*cis*-HC \equiv CH⁻)、8.08 mT(H₂C=C⁻)と評価された。実験値 4.8mT(*trans*-HC \equiv CH⁻)、5.7 mT(H₂C=C⁻)と比較すると、 *trans*-HC \equiv CH⁻においてはかなり良い一致が得られている。H₂C=C⁻の計算値は過大評価となっ ているが、*cis*-HC \equiv CH⁻の計算値はさらに大きな値を有する事から、この場合も比較的実験値に 近いと考えられる。

続いて、INDO 法によって評価されたスピン密度分布と最適化幾何構造を基に dipol 相互作用の評価を行なった。計算は、ANADIP プログラム ^{22,23}によって行なった。Fig.2.7 には、ANADIP

(a) trans-HC≡CH⁻

(b) cis-HC≡CH⁻



54.5°

1.30

60'I

I

I

(c) $H_2C=C^-$



Fig.2.6 Optimized structures of (a) trans-HC=CH⁻, (b) cis-HC=CH⁻, (c) H₂C=C⁻ by ab initio method (Gaussian 90/uhf/6-31++G**)



- 22 -

によって評価した hf テンソルの主値ならびに主軸方向を示している。主軸方向はいずれの場合 もほぼ分子軸に一致している。この事から、同軸系を仮定して行った *trans*-HC=CH・と H₂C=C・ のシミュレーションが妥当なものであることが示唆された。(a)、(b)の場合、hf テンソルの最大 主値は C-H ほぼ結合方向にその軸を有することが分かる。ただし、(c)の場合水素と結合してい ない炭素(C1)上にスピンが局在していることから C-H 方向よりむしろ C3.H 方向に主軸が存在 すると言える。Table1 にそれぞれの主値が実験値とともに示されている。*trans*-HC=CH・の 計算値はそれぞれの主値において実験値とよい一致を示している。*cis*-HC=CH・の計算値も *trans*-HC=CH・の実験値に比較的近い値を有している。しかし、の場合等方性の値は実験値と 大きく離れている。さらに、H₂C=C・の計算値は実験値とかなり良い一致を示している。

2.4.4gテンソルの評価

hfテンソルと同様 Fig.2.6 に示す最適化構造をもとにそれぞれのgテンソルの評価を行なった。 計算は式(3.1)を用いて行った。この際、主軸は分子軸にとった。計算結果を Fig.2.6 に示してい る。さらに実験値と併せて Table1 に示している。*trans*-HC \equiv CH·の g 値の計算値と実験値を比 較すると、g₂、g₃ ではよい一致を示している。g₁を比較すると、ともに負シフトが見られている が、計算値のシフト幅は実験値のそれよりもかなり小さい。これは、第一章 5-c で述べたように、 SOMO とさらに上の軌道とのエネルギー差が過大評価されていることに起因している。*cis*-HC \equiv CH·の場合、g₁ では逆に正シフトが評価されている。H₂C=C·の実験値は軸対称を示しており、 g₂ で負シフトが観測されている。計算値はこの傾向を再現している。しかしながら、この場合に おいてもそのシフト幅は実験値と比べると小さい。

3.4.5 アセチレンアニオンラジカルおよびビニリデンアニオンラジカルの

電子スペクトル

Fig.2.8(a)に 1 mol%のアセチレンを含む 2-MTHF に 77K で γ 線照射により生成した trans-CH=CH:の電子スペクトルを示す。このスペクトルでは許容遷移 (Band A)、306-361 nm と禁制遷移 (Band B)、 λ <413 nm の 2 つの吸収バンドが観測された。また、いずれの吸収も振 動構造を伴っている。Table 2.2 に吸収波長と振動構造の波数を示す。さらに、前者は基底状態 A_{g} から励起状態 B_{u} へ、後者は励起状態 A_{u} への遷移にそれぞれ帰属している。2-MTHF 中にお いても Muto ら ²⁵ と類似した線形を与えた。Table 光異性化反応は λ ≥450 nm の光照射を行な った際に観測されることから、吸収帯 B による光吸収により励起状態を経て反応が進行するも のと考えられる。

λ≧450 nm の光照射後、つまり H₂C=C·の電子スペクトルを Fig.2.8(b)に示す。H₂C=C·の吸



observed immediately after the γ -ray irradiation and after 20 minutes light-illumination with the light of $\lambda \ge 450$ nm, respectively. Table 2.2 Vibronic and vibrational transition parameters of *trans*-CH=CH⁻.

		Vibronic	transition	(mn) si		Vibra	ational strue	cture (cm ⁻¹)	
Band A (Strong)	(0'←0) 360.9	(1'←0) 343.7	(2'←0) 329.7	(3'←0) 317.2	(4'←0) 306.3	(1'←0') 1390	(2'←1') 1230	(3'←2') 1200	(4'←3' 1120
Band B (Weak)	(0'←0) 412.5	(1'← 395.	-0) .3	(2'←0) 381.3		(1'←0') 1060	(2'←1') 930		



Fig.2.9 Energy level diagram of H₂C=C⁻ together with schematics of the associated molecular orbitals calculated by *ab initio* using CIS level of theory with 6-31++G** basis sets based on the optimized structure given in Fig.2-6. The arrows marked in the figure show possible electron transitions in the radical anion.

収帯はλmax=374 nm に観測された。この吸収においては振動構造は観測されなかった。我々は、 ab initio-CI 法により電子スペクトルの帰属を試みた。

Fig.2.9 に abinitio-CI 法(uhf/6-31++G**)を用いて評価した分子軌道を示している。H₂C=C-の基底状態は ${}^{2}B_{2}$ 構造をとっている。実測値 374nm に近い値としては基底状態 ${}^{2}B_{2}$ より励起状態 ${}^{2}A_{1}$ への電子遷移 356nm が考えられる。

2.5 まとめ

77Kにおける放射線線照射で2-MTHFに生成したアセチレンアニオンラジカルはトランス型 に曲がった構造を有すことが ESR 並びに分子軌道法より示唆された。また、この ESR は 3-MP 中で観測されたものとほぼ同一のパラメーターを与えた。また、続く入≧450nm の光照射によ り *trans*-HC≡CH·は H₂C=C·に分子内で光異性化反応を起すことが D および ¹³C 同位体化合物 を用いた ESR 測定より分かった。この異性化反応はこれまでにアルカリ金属カチオン存在下、 4K で報告されてきたが、金属カチオンが存在しない系で 77K において観測されたのは本研究 が初めてである。

ESR と同様 2-MTHF で trans-HC = CH·と H₂C=C·の電子スペクトルを観測した。trans-HC = CH·の電子スペクトルでは λ_{max} =345nm の強い吸収に加えて λ <420nm に弱い吸収が観測さ れた。上記の光異性化は $\lambda \ge$ 450nm の光照射で起こることから後者の吸収帯が関与していると 考えられる。また、H₂C=C·の電子スペクトルでは λ_{max} =374nm に振動構造を伴わない吸収が 観測された。我々は分子軌道法を用いてこの吸収の帰属を試みた。その結果、この吸収は基底 状態 ²B₂より励起状態 ²A₁への電子遷移に由来することが示唆された。

- (a) Ingold, C. K.; King, G. W. J. Chem. Soc. 2702, 1953.
 (b) Ingold, C. K.; King, G. W. *ibid* 2704, 1953.
- 2. Innes, K.K. J. Chem. Phys. 22, 863, 1954.
- Kasai, P. H.; McLeod, Jr, D.; Watanabe, T. J. Am .Chem. Soc. <u>102</u>, 179, 1980.
- 4. Kasai, P. H. J. Phys. Chem. 86, 4092, 1982.
- 5. Manceron, L.; Andrews, L.; J. Am. Chem. Soc., 107, 563, 1985.
- Piocos, E. A.; Werst, D.W.; Trifunac, A. D.; Eriksson, L. A.; J. Phys. Chem., <u>100</u>, 8408, 1996.
- 7. Kasai, P. H. J. Am Chem. Soc., 104, 1165, 1982.
- 8. Kasai, P. H. J. Am. Chem. Soc., 114, 3299, 1992.
- 9. Nguyen, M. T. J. Phys. Chem., <u>92</u>, 1426, 1988.
- 10. Kasai, P. H.; McLeod, Jr., D. J. Am Chem. Soc., 97, 6602, 1975.
- 11. Ozin, G.A.; Power, W. J. Inorg. Chem., 16, 212, 1977.
- 12. Ozin, G.A.; Power, W. J. J. Am. Chem. Soc., <u>98</u>, 6508, 1976.
- 13. Kasai, P. H. J. Am. Chem. Soc., 105, 6704, 1983.
- 14. Cohen, D.; Basch, H. J. Am. Chem. Soc., 105, 6980, 1983.
- 15. Manceron, L.; Andrews, L. J. Phys. Chem., 89, 4094, 1985.
- 16. Sakai, S.; Morokuma, K.; J. Phys. Chem., <u>91</u>, 3661, 1987.
- Manceron, L.; Schrimpf, A.; Bornemann, T.; Rosendahl, R.; Faller, F.; Stockmann, H. -J. Chem. Phys., <u>169</u>, 219, 1993.
- Chenier, J. H. B.; Howard, J. A.; Mile, B.; Sutcliffe, R.; J. Am. Chem. Soc., <u>105</u>, 788, 1983.
- 19. Eriksson, L. A.; Wang, J.; Boyd, R. J. Chem. Phys. Lett., 235, 422, 1995.
- 20. Matsuura, K.; Muto, H. J. Phys. Chem., 97, 8842, 1993.
- 21. Matsuura, K.; Muto, H. J. Chem. Phys., 94, 4078, 1991.
- 22. Edlund, O.; Lund, A.; Shiotani, M.; Sohma, J.; Thuomas, K. -Å. Mol. Phys., <u>32</u>, 49, 1976.
- 23. Edlund, O.; Sohma, J. Mol. Phys., 29, 1229, 1975.
- 24. Taarit, Y. B.; Symons, M. C. R.; Tench, A.J. J. Chem. Soc. Faraday Trans.I, 1149, 1977.
- 25. Kusumori, T.; Matsuura, K.; Muto, H.; J. Chem. Phys., 104, 8879, 1996.

第三章 メチルアセチレンアニオンラジカルの電子構造

3.1 はじめに

前章においてアセチレンアニオンラジカルの電子構造と光異性化反応について述べた。その 中で、アセチレンアニオンラジカルは結合性σ軌道の寄与によりトランス型に曲がった構造を とり、光照射によりビニリデンアニオンラジカルに異性化を起こす事を見出した。

本章では、アセチレンにアルキル基を導入し、電子構造や光反応に及ぼす影響について検討 した。アルキル基は一般に電子供与基として働き、基質に対する求電子的な攻撃性を増大させ ることが知られている。この作用はσ軌道を通して起こるものであり、このことは、σ軌道が 寄与するアセチレンアニオンラジカルの電子状態に影響すると考えられる。また、ラジカル分 子においては、メチル基水素の超共役効果も電子分布を決定する大きな要因となり得る。

以前、岸田ら¹はジエチニルシラン系アニオンラジカルを捕捉し、ESR の観測を行った。そ の結果、不対電子は一方のエチニル基に局在し、エチニルプロトンは三重結合方向から曲がっ た位置を占めることを報告した。さらに、エチニルプロトンの等方性 hf は 5.1~6.1mT とアセ チレンアニオンラジカルのそれに比べて大きな値を示している。これは、ジエチニルシランは の軌道の寄与がより大きいことを示唆している。そこで本研究では、アセチレンアニオンラジ カルの置換基導入による電子構造への影響を検討するため、最も簡単なアルキル誘導体である メチルアセチレンをモデル化合物として取り挙げ、ESR、電子スペクトルによる研究を行った。 また、これらの分光法によって得られたパラメーターを分子軌道法によって評価した。

3.2 実験

3.2.1 試料

試薬としてメチルアセチレン、CH₃C≡CH(MA、高千穂工業)、メチル基を選択的重水素置換 したメチルアセチレン、CD₃C≡CH(MA・d、高千穂工業、99%D)を含む2-メチルテトラヒド ロフラン(2-MTHF、東京化成)を使用した。MA および MA・daは購入したものをそのまま用いた。 2-MTHF は使用前に金属ナトリウムで処理し乾燥した。1mol%の MA または MA・daを含む2-MTHF を真空ライン上で ESR サンプル管内で調製し、液体窒素により固化させた後真空排気 した。この操作を数回繰り返したのちサンプル管を封じ切った。

3.2.2 γ線および光照射

サンプルを液体窒素 77K 下で暗中において γ 線照射を行った。線源には約 10,000 キュリー の ⁶⁰Co を用い、照射時間は 20-30min で行った。MA アニオンラジカル(MA·)は ⁶⁰Co γ 線の初 期イオン化過程により生成する(Fig.3.1)。捕捉電子の光ブリーチには * Wのタングステンランプ を用い、種々のカットフィルター(R60、Y45、UV30、数字×10nm において光の透過率は 50%) により照射波長を調節した。

3.2.3 メチルアセチレンアニオンラジカルの生成機構²

イオン化放射線照射によるアセチレン系アニオンラジカルの生成機構を Fig.3.1 に示す。γ線 のエネルギーは最初にマトリックス分子に加わり、マトリックス分子より電子がたたき出される。 たたき出された電子は系内に捕捉される。この捕捉電子は ESR、電子スペクトルいずれにおい ても観測できる。捕捉電子は光照射により"モーバイル"な電子となる。この電子はより電子親 和力(EA)の大きい分子に取り込まれる。上記の系ではアセチレン分子が相当し、従って電子は アセチレンに取り込まれることにより、アセチレンアニオンラジカルが生成する。また、2-MTHF はプロトン解離により中性ラジカルへ転移する。

3.2.4 ESR および電子スペクトル測定

ESR 測定は Bruker 社 ESP-300E により、暗所で 77K において行った。g 値並びに磁場強度 の校正は Mn²⁺/MgO を用いて行った。電子スペクトルは HITACHI 社 U-300 分光器を用いて 77K で行った。

3.3 分子軌道計算

3.3.1 構造最適化

構造最適化には *ab-initio* 法により uhf/6-31+G**レベルで計算を行った。アニオンラジカルの計算により基底関数には拡散関数を導入した。プログラムは広島大学情報処理センターの Cray システム上の Gaussian94^{3,4}を用いた。

3.3.2 hf 及び g テンソルの評価

等方性 hfの計算は INDO 法を用いて行った。スピン密度と hf値の対応は、pople⁹らが報告したパラメーター[プロトン hfの場合 A = $\rho(H_{1s}) \times 53.8 \text{ (mT)}$]を用いた。分子の幾何構造は上
記の最適化構造を用いた。また、異方性 hf は INDO 法によって評価したスピン密度分布をもと に ANADIP プログラムを用いて計算した。後に述べるようにメチルアセチレンアニオンラジカ ルの ESR はエチニルプロトンの hf の異方性により特徴的な線形を有する。従って、本研究では 電子と核の dipo-dipol 相互作用を考慮し、ANADIP^{5,6}によって hf テンソルの主値並びに主軸方 向を評価した。 g 値は最適化構造をもとに AM1 法により評価した分子波動関数とエネルギー を式 2.1 に代入して求めた。

3.4 実験結果

3.4.1 メチルアセチレンアニオンラジカルの ESR

Fig.3.2(a)は 1mol%の MA を含む 2-MTHF に 77K で y 線照射後観測した ESR スペクトルで ある。スペクトルは少なくとも2種の成分からなる。一つは捕捉電子に帰属される中央のシャ ープな一本線(g=2.0023)、そして 2-MTHF より生成した 2-メチル-2-テトラヒドロフリルラジカ ル(2-M-2-THF・)に帰属される hf1.9mT のブロードな7本線である7。λ≥600nm の光照射を行 うと中央の捕捉電子の一本線は消滅した。Fig.3.4(a)の電子スペクトルにおいて捕捉電子は λmax=1200nmのブロードな信号に帰属できることから、上述の Fig.3.1 に示すとおり、捕捉電 子が光を吸収し、流動性を帯び系内のいずれかの分子に取り込まれたことを示唆している。ま た、捕捉電子消滅と同時に分解の悪い2本線が2-M-2-THF・に混じって現れた。この2本線は MA存在下でのみ観測されたことから、MAが電子を取り込んで生成した MA かもしくは MA 生成後、二次反応よって生成した別種のラジカルに帰属可能である(Fig.3.2(b))。続いて、 λ≥350nmの光照射を行うと上記の2本線が消滅し、2-M-2-THF・のみの信号が観測された (Fig.3.2(c))。そこで、1(b)から1(c)を差し引くとMA由来のラジカルのスペクトルが単独に観測 できた(Fig.3.2(d))。このスペクトルは2本線に加え、それぞれがさらに4本線に分裂している。 このスペクトルは1つのエチニルプロトンと三つの磁気的等価なメチルプロトンによる2x4本 線と考えられる。従って、問題のスペクトルは MA に帰属できる。また、このスペクトルはエ チニルプロトンの hf ならびに g 値の異方性を伴い、左右非対称な線形を有しているのが特徴的 である。そこで、メチル基水素を選択的重水素置換した MA(MA:d)を用い同様の実験を行った。 重水素は水素の約1/6.5の磁気モーメントを有することから、そのhfが線幅以下となる場合に は、スペクトルを簡略化する手段として用いられる。Fig.3.3(a)に見られるように、メチル基水 素のhfが線幅以下となり見かけ上消滅した結果、エチニルプロトンのみの2本線を明瞭に観測 することができた。Fig.3.3(b)に示す ESR シミュレーションより、実測スペクトルを精度よく

$$2 - MTHF \xrightarrow{\gamma - ray} > 2 - MTHF^{+} + e_{t}^{-}$$

$$e_{t}^{-} \xrightarrow{hv} = e_{m}^{-}$$

$$HC \equiv CH + e_{m}^{-} \longrightarrow HC \equiv CH^{-}(EA_{HC \equiv CH} > EA_{2-MTHF})$$

$$2 - MTHF^{+} \longrightarrow 2 - MTHF \cdot (2 - methyl - 2 - tetrahydrofurylradical) + H^{+}$$

Fig.3.1 The generation of MA- in irradiated 2-MTHF solution.

再現することができた(A_{xx}^{H} =5.36mT、 A_{yy}^{H} =4.39mT、 A_{zz}^{H} =3.85mT、 g_{xx} =2.0005、 g_{yy} =2.0020、 g_{mz} =2.0021)、(Table1 参照)。このパラメーターを基に行った Fig.3.2(d)の差スペクトルのシュミ レーションにおいても実測を満足に再現することができた(a_{iso}^{H} =0.50mT)。ここで、エチニルブ ロトンの hfの等方性項(A_{iso}^{H})は 4.53mT であり、メチルラジカルにおけるプロトン hf が約 2.3mT であることを考えると、以上に大きな値を示していることがわかる。MA·が π 型ラジカ ルであるとすると、二つの炭素原子に均等に不対電子が分布したと仮定した場合、エチニルの hf は約 1.2mT になる。しかしながら、実測値はその約 4 倍の値を示しており、MA·が π 型ラジ カルではなく、の軌道の寄与を含んでいることを示唆している。また、メチルプロトンの等方 性 hf は 0.50mT であり、この値は、エチルラジカルのメチルプロトン hf が 2.7mT であること を考えると[®]、非常に小さい値であることが分かる。このことからも、MA·が σ軌道の寄与を受 けていることがわかる。武藤らが 3-MP 中で観測したアセチレンアニオンラジカルのプロトン hf は 4.8mT と大きく、彼らはトランス型に曲がった構造をとっていると報告している。これは、 水素が C=C 結合から曲がった位置を占めることにより、炭素の σ軌道から水素にスピンが流入 してくるからであり、この事から、MA の場合においてもこの異常に大きな ⁱHbf id MA の曲が った構造で説明可能である。

また、MAのg値においてもアセチレンアニオンと同様に異方性を持ち、一つの主軸方向で 大きな負シフト(Δg=2.0005-2.0023=-0.0018)が観測された。

3.4.2 メチルアセチレンアニオンラジカルの電子スペクトル

Fig.3.4 に MA·の電子スペクトルを示す。(a)は γ 線照射直後の電子スペクトルである。 λ_{max} =1200 nm のブロードな吸収は捕捉電子に対応する。また、 λ_{max} =360 nm に 1150 cm⁻¹の振 動バンドを伴う吸収が観測できた。これは、(d)に示す 2-MTHF のみを 77K で γ 線照射して得 られた電子スペクトルでは観測されないこと、さらには ESR の結果を考慮すると MA·の吸収に 帰属できる。そこで、 λ ≥600 nm の光を照射すると捕捉電子は減衰し、それに伴って、MA·の吸 収は増大した(Fig.3.4(b))。さらに、 λ ≥350 nm の光照射によりこの吸収は消滅した(Fig.3.4(c))。 従って、電子スペクトルの結果は ESR に完全に対応していることが分かる。

3.5 分子軌道計算

MA・の ESR および電子スペクトルより得られた実験パラメーターを詳細に評価するため、 種々の分子軌道法による実験パラメーターの再現を試みた。



Fig.3.2 ESR spectra of a solid solution of 2-MTHF containing 1mol% of methylacetylene (MA) irradiated by γ-ray at 77K. (a) observed immediately after γ-irradiation; (b) after illumination by light of λ≥600 nm; (c) after illumination by light of λ≥350 nm;
(d) difference spectrum between (b) and (c). Spectra (c) and (d) are attributable to neutral 2-MTHF radical and the radical anion of MA, respectively.



Fig.3.3 ESR spectra of (a) $CH_3C=CH^-$ and (b) $CD_3C=CH^-$ in 2-MTHF matrix at 77K. The solid lines are observed ones and the dotted lines are their simulation spectra.



Fig.3.4 Electronic absorption spectra of g-irradiated 2-MTHF containing 1 mol% of MA. (a) observed immediately after g-irradiation; (b) after illumination of the light of λ≥600 nm; (c) after illumination of the light of λ≥350 nm.

- 36 -

3.5.1 メチルアセチレンアニオンラジカルの構造最適化

Fig.3.5 は *ab initio*法より評価された MA·の(a)トランス型および(b)シス型を仮定した際の 最適化構造と不対電子軌道(SOMO)の概略図である。いずれの場合も不対電子は C=C 結合間に 局在し、エチニルプロトンおよびメチル基は C=C 結合から大きく曲がった構造をとっている。 また、いずれも平面 Cs(A')対称構造をととっており、 $p_x \ge p_y$ 軌道のみが SOMO に寄与してい る。さらに、Total Energy を比較すると、トランス型がシス型より 0.01 hertree(0.27 eV)安定 となっている。

3.5.2 INDO/ANADIP による hfの評価

Fig.3.6 は *ab initio* 法によって得られた最適化構造を基に、INDO によって評価したエチニ ルプロトンの等方性 *hf*と INDO のスピン密度を基に ANADIP^{5,6} により評価された異方性 *hf*の 主値と主軸を示している。なお、等方性 *hf*は水素 1s 軌道のスピン密度(ρ (H_{1s}))より Pople らが 報告したパラメーター53.99 mT を用い、以下の式により求めた⁹。

 $a_{iso} = 53.99 \times \rho(H_{1s})$ (mT)

(2.2)

評価された等方性 hfはトランス型で 6.53 mT と実測値 4.53 mT に近い値を示しているのに対 し、シス型で 12.0 mT 非常に大きな値を示した。これは、トランス型よりシス型の方が炭素 s 軌道の寄与が大きくなり、従って p 軌道の分極が大きくなった結果である。INDO 法によって 評価されたスピン密度分布を Table 3.2 に示す。C1 と C2 では原子内でのスピン密度の総和は ほぼ同一であるが、各軌道への分布の仕方が大きく異なっていることがわかる。C1 の s 軌道は C2 の約 2 倍のスピン密度を有していおり、逆に p 軌道で C2 が C1 の約 2 倍のスピン密度を有 しているのが特徴的である。

INDO のスピン分布を基に ANADIP により評価された hfテンソルの主軸はトランス型、シス 型ともに z 軸は分子軸 c に完全に一致し、x、y 軸はそれぞれ分子軸 a、b より約 1°ずれた方向 となった。また主値は実測値 b_{xx} =0.83 mT、 b_{yy} =-0.14 mT、 b_{zz} =-0.68 mT に対し、トランス型 の計算値では b_{xx} =0.81 mT、 b_{yy} =-0.27 mT、 b_{zz} =-0.54 mT と実験値と同様、3 軸で大きく異な る値を示し、かつそれぞれ良好な一致を示した(Table2.1)。それに対しシス型では、 b_{xx} =0.31 mT、 b_{yy} =-0.12 mT、 b_{zz} =-0.19 mT とトランス型に比べ異方性の寄与は小さく、ほぼ軸対称性を示し た。結果として、INDO、ANADIP による計算はいずれも MA·のトランス型構造を支持するも のとなった。Table 3.3 にエチニルプロトンの hfの異方性における各炭素の寄与をまとめた。







- 3 9

エチニルプロトンの異方性 hfは三つの炭素の p 軌道上のスピンとエチニルプロトン核の双極子 相互作用の総和となる。また、その寄与の大きさはエチニルプロトンとの距離の-3 乗と炭素上 のスピン密度に比例する。Table2.2 を見ると hf テンソルの寄与のほとんどは C1 である事が分 かる。p 軌道のスピン密度は C1 より C2 の方が大きいが、よりエチニルプロトンに近い C1 が 大きな寄与を示している。

3.5.3gテンソルの評価

gテンソルの計算は式(2.1)を用いて行った。g値の実験値は gxx=2.0005、gyy=2.0020、 gzz=2.0021 とほぼ軸対称の異方性を持っている。さらに gxx において、自由電子の値(2.0023)か ら大きく負にシフトしているのが特徴的である。トランス型の計算値は gxx=2.0019、gyy=2.0019、 gzz=2.0025、シス型では gxx=2.0024、gyy=2.0020、gzz=2.0025 といずれも gyy、gzz ではよい一 致を示しているものの、gxx の一致があまり良くない結果となった。双方の大きな特徴の違いは、 gxx においてトランス型では負シフトが評価されているのに対し、シス型では正シフトと評価さ れていることである。この結果を考慮に入れると、トランス型の方がシス型より実験値の傾向 を満足しているといえる。

gxxの負シフトが小さい理由としては次のことが考えられる。式(2.1)より、g 値のシフト幅は 分母の En-Eo=ΔE に大きく依存していることがわかる。つまり、ΔE が大きければ、シフトは小 さくなり、小さければ、シフトは大きくなる。言い換えれば基底状態と励起状態のエネルギー 差が大きく反映されていることになる。従って、今回用いた AM1 では励起状態のエネルギーを 過大評価していることが考えられる。

3.6 考察

3.6.1 メチルアセチレンアニオンラジカルの 'H-hf

MA·の ESR においてエチニルプロトンは 4.53mT とアセチレン(4.8mT)と同様通常のπラジ カルを仮定した場合よりはるかに大きな値をもつ。また、メチルプロトンは 0.50mT と逆に小 さな *hf*を持つ。

エチニルプロトンの異常に大きな hfは以下の理由によると考えられる。

通常の炭化水素πラジカルにおいてαプロトン上のスピン密度は炭素 pz 軌道からのスピン分 極により発生する。この場合、プロトン上には負のスピン密度が発生し、同時に負の hf を有す る。メチルラジカルは典型的な平面πラジカルであり、不対電子は中心炭素の pz 軌道に局在し ている。このメチルラジカルにおいてプロトン hf はわずか(-)2.3 mT である。言い換えれば、 平面πラジカルのαプロトンはこれ以上の *hf*を持ち得ないことになる。ところが、MA・の場合 には不対電子軌道はσ軌道の寄与を受けている。従って、H−C σ結合を通して正スピンがプロ トンに流れ、さらにβ炭素からの超共役効果もあいまって、エチニルプロトンは異常に大きな *hf*を有することになる。

さらに、メチルプロトンの hf が小さい値を持つのは以下の理由によると考えられる。 通常の π ラジカルでは、メチル基は特に β -C からの超共役効果により大きな hf を持つはずであ る。エチルラジカルのメチルプロトン hf が 2.5 mT であることを考えると MA·では約 1.3 mT(た だし、不対電子は二つの sp 炭素の pz 軌道に均等に分布していると仮定する。)となると考えら れる。しかし、実験値はその半分以下である。これは超共役効果が支配的な β -C の p 軌道のス ピンが s 軌道に流出したことにより、超共役効果が減少したことに伴っていると考えられる。 結果として、この異常な hf は MA·が通常の π ラジカルではなく、 σ 軌道の寄与を受けて曲がっ た構造をとることで説明できる。

3.6.2 メチル基置換効果

MA・もアセチレンアニオンラジカルと同様にトランスに曲がった構造をとる。エチニルプロトンのhfは4.53mTであり、武藤らが観測した3-MP中のアセチレンアニオンラジカルのそれ(4.8mT)と類似した値を示した。これは、エチニルプロトンが結合した炭素へのσ軌道の寄与がアセチレンアニオンラジカルと同程度であることを示唆している。この場合、MAのsp炭素を¹³Cで置換した化合物を用いた測定を行うと¹³Cの等方性hfはアセチレンアニオンより小さくなることが期待できる。

武藤らは、ヘキシンアニオンラジカル¹⁰の観測も行っており、エチニルプロトンの hf は 4.4mT である。これより、炭素上のπスピン密度は 0.4 となり、スピンは 2 つの sp 炭素に対 称に分布していると結論している。MA・においても、エチニルプロトンの hf 値は 4.53mT と HC=CH・のそれと同等であることから、少なくともエチニルプロトン側の炭素上の各原子軌道 におけるスピン密度分布はアセチレンと類似していると考えられる。Table 3.1 に示した INDO のスピン密度分布を見ると、C1 は HC=CH・とほぼ同等であることが分かる。しかしながら、 メチル基が結合した C2 においては、σ軌道がより支配的になっていることが分かる。これは、 摂動により混入する結合性のσ軌道において C2 の C=C 結合方向の py が支配的であることを 示唆している。

	pz		0.0109	-0.0090	-0.0002	$^{1}=C^{2}-C^{3}H_{3}$
y uhf/INDO.	py		0.1026	0.2191	-0.0308	as follows. H ¹ -C
IC-CCH3 ⁻ evaluated t	p _x		0.1689	0.1299	0.0184	en in this table are
Spin distribution in F	S	0.1207	0.1234	0.0629	0.0072	atom numbers see
Table 3.1		H ¹	C ¹	~	Ŀ	C ³ The a

H ¹ -C ³)45 0.073 0.001	073 0.006 0.001	01 0.001 -0.051
	0 0.0	0 0.0	-1.045 0.0
H ¹ -C ²	0.822	2 -0.597	0 as follows F
	1.641	0.82	bis table are
	0	0	-4.328 rs seen in t
H ¹ -C ¹	-0.033	8.618	0 om number
	-4.291	-0.033	0 The at

Table3.2 The contribution expressed in gauss from the two-center-dipolar interaction.

- 43 -

77K におけるγ線照射により 2-MTHF マトリックス中に MA·を準安定状態で生成し、ESR および電子スペクトルの観測を行った。MA·の ESR においてエチニルプロトンは通常のπラジ カルを仮定した場合より極めて大きな hf を持ち、メチルプロトンは逆に小さな hf を持つことが わかった。これは、MA·が非直線に曲がった構造をとることに起因する。分子軌道法を用いた構 造最適化、および hf、g テンソルの評価の結果、MA·はアセチレンアニオンラジカルと同様にト ランス型に曲がった構造をとることがわかった。また、アセチレンアニオンラジカルでは対称 性から不対電子は二つの炭素に完全に対称的に分布しているのに対し、MA·では二つの sp 炭素 にほぼ均一に分布しているが、原子内での各軌道への分布は異なっていることが INDO 法より 評価された。電子スペクトルを測定した結果、360 nm に MA·の極大吸収が 1150 cm⁻¹の振動構 造を伴って観測された。ab initio-CI 法による計算の結果、360nm は SOMO からそれより 2つ 上のレベルの軌道への電子遷移に由来していることが示唆された。また、振動計算の結果、1150 cm⁻¹はトランス方向への面内変角振動であることが示唆された。

参考文献

- 1. M. Shiotani, N. Kishida, M. Ishikawa, Unpablished results.
- 2. A. Lund and M. Shiotani, Radical Ionic System, Kluwer, Dordrecht 1991.
- 3. J. B. Foresman and Æ.Frisch, *Exploring Chemistry with the Electronic Structure Method*, 2 nd edn., Gaussian Inc., Pittsburgh, PA, 1996.
- 4. J. B. Foresman and Æ. Frisch, Gaussian 94 Reference Manual, Gaussian Inc., Pittsburgh, PA, 1996.
- 5. O. Edlund, A. Lund, M. Shiotani, J. Sohma and K-A. Thuomas, Mol. Phys., 32, 49, 1976.
- 6. O. Edlund and J. Sohma, Mol. Phys., 29, 1229, 1975.
- 7. For example (a) S. Takeda, N. E. Houser, and R. C. Jarnagin, J. Chem. Phys., <u>54</u>, 3195, 1971.
 (b) P. H. Kasai, J. Am. Chem. Soc., <u>94</u>, 5950, 1972.
- 8. For example R. W. Fessenden and R. H. Schuler, J. Chem. Phys., 39, 2147, 1963.
- 9. J. A. Pople and D. L. beveridge, *Approximate Molecular Orbital Theory*, McGraw-Hill, New York, 1970.
- 10. Matsuura, K.; Muto, H. J. Chem. Phys. 94, 4078, 1991.

第四章 フッ素置換ベンゼンカチオンラジカルの ESR と

電子構造

4.1 はじめに

炭化水素イオンラジカルの構造はフッ素置換によって劇的に変化し得ることが知られており、 これまで ESR による研究が進められてきた。

ベンゼンカチオンラジカル(C₆H₆+)は静的ヤーン-テラー効果により HOMO(b_{3g}、b_{1g})の縮退が 解け、不対電子は b_{3g}(D_{2h})軌道を占有することが報告されている ¹⁻³(Fig.4.1)。しかしながら、す べての水素をフッ素置換した C₆F₆+においてはエネルギー準位が逆転し、b_{1g} が SOMO となるこ とが報告されている。

ベンゼンに対するフッ素置換基効果は選択的フッ素置換ベンゼンを用い光電子スペクトル (PES)と CNDO/S2 MO 計算により研究され、フッ素置換の数と位置により縮退軌道の分裂が異 なることが報告されている(Fig.4.2)^{6,7}。しかしながら、PES から得られる直接的な情報はイオ ン化エネルギーとそれに伴う吸収の強度であることから、電子構造を実験的かつ定量的に考察 することは難しい。これに対し、ESR は検出対象がラジカル種に限られているが電子構造に関 する直接的な情報を得ることができる。そこで、本研究ではカチオンラジカルの SOMO は母分 子の HOMO を反映することに着目し、ESR を用いた選択的フッ素置換ベンゼンカチオンラジ カルの電子構造の評価を行った。

フッ素化合物イオンラジカルの ESR は ¹⁹F(I=1/2)による特徴的なスペクトルを与える。¹⁹F は 天然存在比が 100%であり、核磁気モーメントが水素と同程度であることから非常に高感度であ る。また、2p 軌道上の不対電子により大きな異方性 hf を与える。異方性 hf は p 軌道のスピン 密度と電子-核双極子間の距離に関する値であることから、ラジカル種の構造解明において極め て重要なパラメーターである。

4.2 実験

ー連のフルオロベンゼンカチオンラジカルは CCl₃F または cC₆F₁₂マトリックスを用いて生成した。それぞれのマトリックスのイオン化ポテンシャルは CCl₃F は 11.8eV¹⁵、c-C₆F₁₂は 12.9eV¹⁶ といずれも大きいことから、カチオンラジカルの生成に適していると考えられる。 Scheme 4.1 にフルオロベンゼンカチオンの生成機構を示す。







Fig.4.2 Energy levels showing the first two ionization potentials from PE spectra with the symmetry of MOs for a series of fluorinated benzenes^{5,6}. The symmetry of MOs of S and A type depends on whether they are symmetric or antisymmetric under reflection in the plane passing through the C₁ and C₄ carbons, perpendicular to the ring. $cC_{6}F_{12} \xrightarrow{\gamma - ray} cC_{6}F_{12}^{+} + e^{-}$ F - Benzene + $cC_{6}F_{12}^{+} \longrightarrow$ F - Benzene⁺ + $cC_{6}F_{12}(IP_{cC_{6}F_{12}} > IP_{F-Benzene})$ $cC_{6}F_{12} + e^{-} \longrightarrow cC_{6}F_{11} \cdot F^{-}$

Scheme 4.1 The generation of cation radical of fluorinated benzene by ionizing irradiation.

選択的フッ素置換ベンゼンとして Fig.4.3 に示すものを用いた。これらは、購入したものをそ のまま用いた。サンプルは約 1mol%のフルオロベンゼンを含むフルオロトリクロロメタン (CCl₃F)またはパーフルオロシクロヘキサン(c-C₆F₁₂)を真空ライン上で調製し、ESR サンプル管 に真空封入した。 γ線照射は 77K において行い、吸収線量は約 1Mrad であった。ESR 測定は JEOL JES-PX-1X または Bruker ESP-300E X-バンド分光器により行った。磁場強度は Bruker 035M NMR ガウスメーターを用いて測定した。昇温測定は Oxford クライオスタット ESR900 を用いて行った。また、ESR シミュレーションは Bruker Simfonia シミュレーションプログラ ムを用いて行った。

4.3 分子軌道計算

構造最適化は ab initio 法を用い、uhf/3-21G レベルで行った。計算プログラムは広島大学情報 処理センターの Cray 計算サーバー上の Gaussian94 を用いた¹³。スピン密度の計算は、上記の 方法により得られた最適化幾何構造を基に、uhf/INDO 法により行った¹⁴。

4.4 結果と考察

4.4.1 C₆H₅F⁺カチオンラジカル

Fig.4.4(A)に CCl₃F 中、77K における γ 線照射後、93K で観測された C₆H₅F⁺の ESR スペ クトルを示す。スペクトルの両外側に ¹⁹F による hf の平行成分が明瞭に観測されている。また、 平行成分による 2 本線はそれぞれ ¹H により小さく分裂しているのが分かる。つまり、の主な hf は ¹⁹F とそれに対してパラ位の水素に起因していると考えられる。また、中央の信号はやや複雑 な線形をしているが、これは ¹⁹F hf の垂直成分(図中*印)に CCl₃F マトリックス由来の中性ラジ カルが重なっているためである。軸対称の g および hf の異方性さらには ¹⁹F に対しては hf の二



- 51 -

次の効果を仮定したシミュレーションにより実測スペクトルとよい一致を得ることができた。g 値の異方性に関して平行成分は g_{\parallel} =2.0032 でほぼ自由電子(2.0023)の値をとっているのに対し て垂直成分はそれより正にシフトしていることが分かる。これは π ラジカルに典型的な現象で ある。これは SOMO は下の準位の軌道である σ 軌道と相互作用を起すことから値に正シフトが 見られることに由来している。ただし平行成分のシフトがほぼ0であるのは、 p_x 、 p_y で構成さ れる σ 軌道に L_z を作用させても p_x と p_y の間で交換が起こるだけであり、従って式(1-1)の分子 の積分は 0 となるからである。

 $C_6H_5F^+$ の ESR において ¹⁹F だけでなく ¹H も hf の異方性を有している。シミュレーションパ ラメーターを Table4.1 に示す。類似した ESR スペクトルは cC₆F₁₂マトリックス中でも観測さ れた。cC₆F₁₂マトリックスにおいては、より ¹⁹F の hf の平行成分が若干小さくなっている。

4.4.2 1,2-C₆H₄F₂+カチオンラジカル

Fig.4.4(B)に 1,2-C₆H₄F₂を含む CCl₆Fマトリックスに 77K で γ 線照射後、同温で観測した 1,2-C₆H₄F₂+の ESR スペクトルを示す。このスペクトルは 2F による強度比 1:2:1 の典型的な軸 対称異方性 hfを有している。スペクトルの両端には ¹⁹Fhfの平行成分が明瞭に観測できており、 中央には ¹⁹Fhf の垂直成分が現われている。また、それぞれの平行成分の吸収は小さな hf によ りさらに 6 本線に分裂を伴っている。この小さな分裂は少なくとも 3、6 位か 4、5 位の 2H に よる 3 本線を含んでいると考えられる。しかし、残りの 2 本線は中の核に帰属することは *o* C₆H₄F₂の対称性から判断すると困難である。従って、この 2 本線はマトリックスである CCl₈F の 19F による分裂、すなわち" super hyper fine"に帰属した。このような分裂は CCl₈F のような フルオロカーボンマトリックスを用いた場合に観測され、Hasegawa によって観測された C₂F₄+ の ESR スペクトルにも現われている ^{17,18}. ESR シミュレーションによって実測スペクトルとよ い一致を得ることができた。ESR パラメーターを Table1 に示す。¹⁹Fhf の平行成分は 12.0 mT と大きな値を示していることから、フッ素が結合した 2 つの炭素原子上の p₂軌道に大きなスピ ン密度が存在すると考えられる。この場合、SOMO は b_{1g} 対称を持つことになる。従って、水 素による分裂は 4、5 位の 2H に由来していると考えた方が妥当である。

4.4.3 1,3-C₆H₄F₂+カチオンラジカル

Fig.4.5(A)に CCl₃F マトリックス中 77K で γ 線照射後、同温で観測された 1,3-C₆H₄F₂+の ESR スペクトルを示す。このスペクトルも 1,2-C₆H₄F₂+と同様、二つの磁気的等価な ¹⁹F による軸対称 hfを持つ。両側の平行成分の吸収はさらに 2 つの等価な 1H によって 3 本線に分裂しているのが明瞭に観測できている。ここでは、CCl₃F マトリックスの ¹⁹F による分裂は観測されなかった。中央の垂直成分は g 値の異方性により非対称な線形を示しているのが特徴的であるが、さ

				$\widetilde{A}/[mT]$		assigned			
Radical	Motrix	TIKI	\tilde{g}	Au	A,a	a ^{a,b}	$\rho_{2p\pi}({}^{19}F)^c$	position of	rof
cation	Matrix		0		T	4		¹⁹ F and ¹ H	IEI.
	CCl ₃ F	77 4.2	2.0028 2.0027			(-)0.4 (-)0.8 (-)0.2		6H H _{1.4} H _{2.3.5.6}	1
F	CCl ₃ F	93	<i>g</i> _{<i>I</i>} <i>J</i> =2.0032 <i>g</i> _⊥ =2.0060	15.0 1.0	1.0 1.2	5.7 1.1	0.087	F_1 H_4	present work
F	<i>c</i> -C ₆ F ₁₂	77	g ₁₁ =2.0036 g ₁ =2.0051	12.0 1.0	1.0 1.2	4.7 1.1	0.068	F_1 H_4	4
F	CCl ₃ F	77	g ₁ =2.003 g ₁ =2.008	12.0 0.8 0.5	0.3 0.4 ca.0	4.2 0.5 0.2	0.072	F _{1.2} H _{4.5} F of CCl ₃	44 F
F	CCl ₃ F	77	g ₁ =2.002 g ₁ =2.006	9.6 1.0	0.7 ca. 0	3.7 0.3	0.055	F _{1.3} H _{4.6}	4
F	c-C ₆ F ₁₂	77		9.3 1.0	0.7 ca. 0	3.6 0.3	0.053	F _{1.3} H _{4.6}	41
F	CCl ₃ F	77	g _{//} =2.002 g ₁ =2.003	15.6 5.0	0.3 ca. 0	5.4 0.2	0.092	F _{1.4} 4H	4
F	<i>c</i> -C ₆ F ₁₂	84	g _{//} =2.002 g _L =2.006	15.0 12.7 6.4	0.7 0.7 0.7	5.5 4.7 2.6 0.6	0.088 0.074 0.035	$\begin{array}{c} F_1\\F_4\\F_2\\H_5\end{array}$	4
F	c-C ₆ F ₁₂	140	<i>g</i> _{<i>IJ</i>} =2.003 <i>g</i> _⊥ =2.004	4.94	<i>ca</i> .0	1.7 0.7	0.029	F _{1.3.5} H _{2.4.6}	4
F	c-C ₆ F ₁₂	77	g _{//} =2.002 g ₁ =2.006	16.9 12.7 2.8 0.4	0.3 0.3 0.3 ca. 0	5.8 4.4 1.1 0.1	0.101 0.076 0.018	F ₁ F ₄ F _{2.6} 2H	4
F F F	<i>c</i> -C ₆ F ₁₂	77	<i>g</i> _{1/} =2.002 <i>g</i> _L =2.006	10.9 0.5	0.3 ca. 0	3.8 0.2	0.064	F _{1.2.4.5} 2H	4
F F F F	c-C ₆ F ₁₂	93	g _{//} =2.002 g _⊥ =2.006	10.8 10.4 (-)1.1	1.3 1.3 (-)0.3	4.5 4.3 (-)0.6	0.059 0.055 -0.006	F _{2.6} F _{3.5} F ₁	4
F F F F	<i>c</i> -C ₆ F ₁₂	10	<i>g</i> _{1/} =2.002 <i>g</i> ₁ =2.006	1.4 9.9	0.0 0.0	0.5 3.3	0.009 0.061	F _{1.4} F _{2.3.5.6}	9

Table 4.1 ESR parameters for the radical cations of fluorinated benzenes

a: Error limit is ± 0.3 mT, b: Isotropic hf splitting, c: Spin density in $2p_{\pi}(^{19}F)$ orbital evaluated using the magnetic parameters listed by Goodman and Raynar²⁰.



- 54 -

らに、ピークの裾に小さな分裂を観測することができる。これは、¹⁹Fhf の垂直成分は線幅と同 程度の値を持っていることに起因している。また、中央の線には、平行成分に観測できている3 本線が見られないことから、¹Hhf も異方性を持っていることが考えられる。シミュレーション により実測スペクトルを再現することができた。ESR パラメーターを Table4.1 に示す。ここで も ¹⁹F は 9.6mT と大きな値を有することから、1 位と 3 位の炭素の p₂軌道に大きなスピン密度 が存在していると考えられる。この場合も前述のと同様 SOMO は b_{1g} 対称を有していることで 説明可能である。また、2H による 3 本線は 4 位と 6 位の水素による hf に帰属できる。

4.4.4 1,4-C₆H₄F₂+カチオンラジカル

Fig.4.5(B)に CCl₈F マトリックス中 77K で γ 線照射後、同温で観測された 1,4-C₆H₄F₂+の ESR スペクトルを示す。強度比 1:2:1 の ¹⁹F による軸対称 hf が観測されている。両外側には ¹⁹Fhf の平行成分が現われているが、垂直成分に比べ見かけ上ブロードな線形を有している。これは、 線幅以下の ¹Hhf による寄与を受けていることに起因している。つまり、1,4-C₆H₄F₂+は 1,2-ま たは 1,3-に比べ、 ¹Hhf が小さくなるような電子構造をとっていると考えられる。シミュレーシ ヨンを下に示している。線幅以下の ¹Hhf を考慮することによって、実測スペクトルを再現でき た。パラメーターを Table4.1 に示す。 ¹⁹Fhf の平行成分は 15.6mT であり、今回用いたフルオ ロベンゼン中でも比較的大きな値を示した。また、g 値は C₆H₆F+の部分で述べたように*π*ラジ カルに特徴的な傾向を示している。これは、C₆H₆+と同様に SOMO は b_{3g} 対称を持つことで説明 可能である。この際、フッ素の p₂軌道には大きなスピン密度が現われ、さらに 2,3,5,6 位の水 素の hf は極めて小さくなる。中央の垂直成分の信号に関しては、その線形は極めてシャープで あり、従って ¹H と ¹⁹Fhf のいずれの寄与もほぼ 0 であると考えられる。ただし、この 1 本線の 裾の線形は ¹⁹Fhf の垂直成分によって変わり、今回の場合 0.3mT で最も良い一致を示した。

4.4.5 1,2,4-C6H3F3+カチオンラジカル

Fig.4.6(A)に c-C₆F₁₂マトリックス中 77K でγ線照射後、同温で観測された 1,2,4-C₆H₃F₃+の ESR スペクトルを示す。スペクトルの外側には ¹⁹Fhf の平行成分がひ各的明瞭に観測されてい る。全体的に 1,2,4-C₆H₃F₃の対称性の低さからスペクトルはやや複雑な線形になっているが、g 値および hf の異方性、さらには hf の二次の効果を考慮したシミュレーションによって実測スペ クトルとかなり良い一致を得ることができている。このスペクトルは主に 3 つの 2 本線からな っており、それぞれ 1,2,4-C₆H₃F₃の 3 つの ¹⁹F の hf に帰属できる。さらに、線幅と同程度の小 さい分裂を持つ 2 本線はベンゼン環上の水素に由来している。シミュレーションによる ¹⁹Fhf の平行成分は 15.0、12.7、6.4mT であるが、2 つは大きな hf を持ち、残りの 1 つは半分程度の



- 56 -

大きさであることから、不対電子は" b_{3g} タイプ"の軌道を占有していると考えられる。従って 15.0mT、12.7mT はそれぞれパラ位の関係にある1位か4位のフッ素に帰属でき、6.4mT は2 位のフッ素に由来していると考えられる。1、2位のフッ素が大きなhfを持つと仮定すると SOMO は Fig.4.2 に示すSタイプの軌道となる。この場合、同時に4位のフッ素も大きなhfを持 つ

ことから、この可能性は除外できる。詳細な帰属は分子軌道計算と併せて後述する。

4.4.6 1,2,4,6-C₆H₂F₄+カチオンラジカル

c-C₆F₁₂マトリックス中における γ 線照射で生成したの ESR スペクトルを Fig.4.6(B)に示す。このスペクトルは2種の2本線と1種の3本線を含んでいる。3本線は対称性から判断して、2、6位のフッ素か3、5位の水素の可能性が考えられる。しかし、シミュレーションより求めた hf は2.8 mT であり、 π 炭素に結合した α 水素の hf にしては大きすぎることから、3本線は2、6位のフッ素に帰属可能である。また、この帰属は後に述べる分子軌道計算の結果でも支持された。また、水素の hf は線幅以下で観測できていないことになる。さらに、2種の3本線は1位と4位のフッ素に帰属可能である。シミュレーションより求めた hf はそれぞれ15.0 mT と12.7 mT であった。この帰属は後に述べる分子軌道計算によって行った。パラ位の関係にある1、4位のフッ素が大きな hf を有し、2、6位のフッ素が小さな hf を有することから、不対電子は"b_{3g}タイプ"の軌道を占有していると考えられる。

4.4.7 2,3,5,6-C₆H₂F₄+カチオンラジカル

c-C₆F₁₂マトリックス中における γ線照射により 77K で観測された 2、3、5、6-C₆H₂F₄+の ESR スペクトルを Fig.4.7(A)に示す。スペクトルは 4 つの磁気的等価なフッ素による 5 本線を示し ており、hf の平行成分が明瞭に観測できている。Table 4.1 に示すパラメーターを用いたシミュ レーションにより実測スペクトルを満足に再現することができた。¹⁹Fhf の平行成分は 10.9mT であった。また、1 位と 4 位の水素もわずかながら hf に寄与している。スペクトルにおいて中 央の垂直成分のシグナルに比べ、平行成分の線幅がやや大きいことから、水素も軸対称の異方 性を有していると考えられる。しかも、平行成分は線幅以下の値を持ち、見かけの線幅の増加 に寄与していることを示している。

4.4.8 C₆HF₅+カチオンラジカル

C₆HF₅を含む cC₆F₁₂へのγ線照射により生成した C₆HF₅+の 93K における ESR スペクトル を Fig.4.7(B)に示す。スペクトルの線形は 1、2、4、6-C₆H₂F₄+のそれに類似しており、5 本線を示



C1 and C4 carbons. A' stands for A-like symmetry.

- 58 -

している。また、5本線のそれぞれは小さく2本に分裂している、ただし、中央のm=0成分は hfの垂直成分に隠れていて明瞭に観測することはできていない。この、5×2本線は4つの等価な フッ素と1つのフッ素核によるhfと考えられる。4Fは2、3、5、6位のフッ素、1Fは1位のフッ 素に帰属可能である。つまり、C₆HF₅+は2、3、5、6位の炭素

に大きなスピン密度を有する"b_{1g}タイプ"の軌道を SOMO に持つと考えられる。シミュレーシ ヨンにより実測スペクトルとよい一致を得ることができた。シミュレーションにおいて4つのフ ッ素は完全に等価ではなく 10.8mT(2F)、10.4mT(2F)を用いた際に最も良い一致を得ることが できた。対称性から考えても、4F なく 2F、2F となるのは妥当な結果といえる。ただし、10.8 と 10.4 mT の帰属は実験からだけでは判断できず、1.1mT の小さな分裂と併せて後の計算によっ て可能となった。

4.4.9 C₆F₆+カチオンラジカル

 C_6F_6 +は以前 Hasegawa らによって報告されており⁹、ここでは比較の意味でその結果を記述 することにする。 cC_6F_{12} マトリックス中に生成した C_6F_6 +の ESR は温度変化に対して劇的な変 化を示す。170K におけるスペクトルは明らかに 6 つの等価なフッ素原子による 7 本線が観測さ れている(A_{\parallel} =6.77 mT、 A_{\perp} =*ca*.0 mT、 g_{\parallel} =2.0020、 g_{\perp} =2.0060)。温度を下げていくと、内側 の吸収線がブロードになっていく。しかし、この時外側の線は変化していない。10K では外側 の吸収線はよりシャープになり、1.35 mT の 3 本線への分裂が観測された。この時の ESR パラ メーターは $a_{iso}(2F)$ =1.35 mT、 $a_{iso}(4F)$ =9.85 mT である。この結果は、 C_6F_6 +の 6F が非等価な二 つの組に別れたことを示している。

っまり、親分子 C₆F₆ではその HOMO は 2 重に縮退しているが、一電子酸化によりその縮退 が解け、SOMO は 4F に大きなスピン密度を有する b_{1g} 構造(Fig.4.1 参照)をとることを意味して いる。これは、C₆H₆+の場合と比較すると互いに逆の結果になっていることが分かる。C₆F₆+の構 造は Ab initio 計算からも示唆されている。uhf レベルの計算 ^{3,10}では C₆F₆+は b_{1g} と b_{3g} の両方を 取りうるが、MP2 レベルでは C₆H₆+は b_{3g} 、C₆F₆+は b_{1g} をとることが示唆されており ¹⁹、実験結 果⁹と一致している。

4.4.10 フルオロベンゼンカチオンラジカルのスピン密度分布

Table4.1 に示したフルオロベンゼンラジカルカチオンの ¹⁹Fhfはいずれも $A_{\parallel} \gg A_{\perp} \rightleftharpoons 0$ であ り、これは典型的な π ラジカルのパターンであり、フルオロベンゼンカチオンラジカルが平面 構造をとっていることを強く示唆するものである。それゆえ、フッ素の pa軌道上のスピン密度 は2Bo=108.5mTにより式4.1を用いて求めることができる。

$$\rho_{2p_{z}}(^{19}F) = \frac{2B}{2B_{0}} = \left(\frac{A_{\parallel} - A_{\perp}}{3}\right) \cdot \frac{1}{2B_{0}}$$
(4.1)

実測スペクトルより、 *A*₁ は精度よく求めることができる。ところが、 *A*₁ の場合はスペクトル では線幅以下である場合が多く、この際シミュレーションにより近似的にもとめた。またαフ ッ素の *A*₁ では場合正の値と負の値が報告されていることから²¹、ここでも両方の値を考慮した が、後に示す INDO 計算によって、すべての化合物において正の値をとっていることが示唆さ れた。このようにして求めたスピン密度を Table4.1 に示している。

4.5 分子軌道計算による構造最適化とスピン密度分布の評価

4.5.1 スピン密度の評価法

分子軌道計算によるスピン密度の評価は、INDO 法によって行った。また、INDO 計算に入 力する座標は、ab inito 計算によって得られた最適化構造を用いた。

構造最適化は最初に親分子について行った後、その最適化構造を初期座標として対応するカチ オンラジカルの最適化を行った。親分子すなわち中性分子については rhf/4.21G レベルの計算 を行った。INDO によって評価されたスピン密度から hf を計算する際には、フッ素では等方性 hf、 a_{iso} 、は F_{2s} 軌道のスピン密度より 4482.920 mT¹⁴ を基準値として、また異方性 hf、2B は F_{2pz} 軌道(分子面に垂直方向)のスピン密度より 108.5mT²⁰を基準値として計算した。また、水素では 1s 軌道のスピン密度より Pople らによって評価された値 53.8mT¹⁴を用いた。

4,5,2 C₆H₅F+カチオンラジカル

Fig.4.8A(1)に C₆H₅F⁺の最適化構造の幾何パラメーターを示す。最適化構造は平面 C₂v構造を 示した。この場合、B(1)に示すとおり C₂回転軸は C1 と C4 を通る直線で示される。また、SOMO は b₂対称をとりフッ素原子が結合した C1 と、それに対してパラ位の関係にある C4 上に大きな スピン密度を有している。この結果は、Fig.4.4 の ESR スペクトルにおいて、大きな 1F の hf とさらに 1H によって分裂が見られているという結果に対応している。また、これは親分子の HOMO と同じ対称性をとっている。しかし、反結合性の C₂-C₃ 結合と C₅-C₆ 結合の距離は親分 子のそれに比べて小さくなっている。Fig.4.8B(1)には、各原子の hf の実測値と括弧内に計算値 が示してある。hf が見かけ上観測されないものに関しては計算値のみを示している。4 位の水





素は実験値と計算値でよい一致を示しており、また、他の水素に関しても計算値は4位の水素 に比べてかなり小

さく、実験で観測されていないという事実と対応している。しかし、フッ素に関しては aiso、2B ともに実験値に比べると、いずれも約2倍の値を持っており、かなり過大評価されているのが わかる。

4.5.3 1,2-C₆H₄F₂+カチオンラジカル

Fig.4.8A(2)に示した 1、2-C₆H₄F₂+の最適化構造も C₆H₆F+と同様平面 C_{0} 構造を示した。また、 SOMO も同様に b_{2} 対称を持つ。ただしこの場合、 C_{2} 軸は C1-C2 結合の中点と C4-C5 結合のそ れを結ぶ直線となり、SOMO は Fig.2 に示した S タイプではなく、A タイプとなっている。た だし、図中に示した C1 と C4 を結ぶ直線は C_{2} 軸となり得ないことから、A'と表記している。 2-C₆H₄F₂+ではフッ素に結合した二つの炭素と 4、5 位の炭素に大きなスピン密度を有し、それぞ れ結合性軌道をとっている。また、これらの結合は母分子のそれと比べて伸長している。 Fig.4.4(B) に示した、1、2-C₆H₄F₂+の ESR スペクトルでは、大きな 2F の *hf*が観測され、さら に 2H による 小さな分裂を示していることから、この計算結果と対応している。Fig.4.8B(2)に示 した *hf*の評価では、4、5 位の等価な 2H においてかなり良い一致を得ている。しかし、ここでも ¹⁹F*hf*は等方性、異方性とも大きく実験値からずれており、と同様いずれも 2 倍近い計算値を有 している。

4.5.4 1,3-C₆H₄F₂+カチオンラジカル

Fig.4.8A(3)に示す 1、4.C₆H₄F₂+の最適化構造は親分子と同様 C_{v} 構造を示した。 C_{2} 回転軸は 図中の C1 と C4 を通る直線となる。SOMO は a2 対称を有し、これはAタイプの軌道を示して いる。これによって、フッ素に結合した 1、3 位の炭素と、4、6 位の炭素に大きなスピン密度が 存在している。また、結合性軌道となっている C1-C6 結合と C4.C4 結合はそれぞれ母分子より 伸長した。Fig.4.5(A)に示す 1、4.C₆H₄F₂+の ESR スペクトルは 2F による 3 本線が観測されてお り、平行成分の信号は 2H によりさらに 3 本線に分裂している。計算結果より後者の 3 本線は 4、 6 位の水素による hf であることが支持された。Fig.4.8(B)(3)に hf の実験値と計算値を示してい る。¹Hhf は計算値が実測値を 2 倍近く上回っている。しかし、2 位と 5 位の水素に関しては計算 値はそれぞれ 0.10、0.29mT と小さいことから、hf の計算値は A タイプ構造を示していること は明らかである。フッ素に関しては、他の化合物と同様、等方性、異方性ともに実測値を大きく 上回っている。 4.5.5 1,4-C₆H₄F₂+カチオンラジカル

Fig.4.9A(1)に示す1、4-C₆H₄F₂+の最適化構造は親分子と同様 *D*_{2h}構造を示した。C2 主軸を 二つの フッ素原子を通る直線をとると、SOMO の対称性はベンゼンカチオンと同様 *b*₈g となり、 これはS タイプに属する。2、3 結合と 5、6 結合はそれぞれ反結合性を示し、結合長が母分子より 小さくなっているのが特徴的である。Fig.2(B)に示す1、4-C₆H₄F₂+の ESR スペクトルでは、等価 な 2F による hf が観測されている。また、¹Hhf は線幅に隠れており観測できていない。¹Hhf の計 算値は-0.13mT であり、シミュレーションより求めた実験値0.2mT に近い値を示しており、な おかつ¹Hhf が線幅以下で観測されないことに対応している。フッ素については、等方性は他と 同様計算値が実験値の2倍近くである。異方性項2B はそれに比べて若干実験値に近い値を示し ている。フッ素の等方性 hf は INDO のスピン密度に対して4482.920mT¹⁴とかなり大きな値を 基準にして求めていることから、スピン密度の微小な変化に敏感であり、実験値の定量的な再現 は困難であると思われる。

4.5.6 1,2,4-C₆H₃F₃+カチオンラジカル

Fig.4.9A(2)に示すの最適化構造は平面 Cs 対称構造を示した。この化合物は今回用いたものの 中では最も対称性が低く Ca軸は存在しない。また、フッ素の置換位置はそれぞれ o-、m-、p-の関 係を含んでおり、その電子構造は興味深い。Fig.4.9B(2)に示すとおり、1、2、4-C6HaFa+の電子構造 は a"対称構造の S タイプをとっている。これは、1、4-C6H4F2+と同様である。ただし、この場合 対称軸が存在しないことから、S'と表記している。Fig.4.6(A)に示す、1、2、4-C6HaFa+の ESR スペ クトルは明らかに 3 つの非等価なフッ素の hf で構成されており、そのうち 2 つは大きく一つは それらの約半分の値を取っている。S タイプの軌道を仮定した場合、1 位と4 位のフッ素は大きな スピン密度を有し、2 位は小さいスピン密度を有することになる。Fig.4.9B(2)に示した hf の計算 値をみると、フッ素 hf は上述のような傾向をとっていることがわかる。また、スペクトルでは 1H による小さな分裂が観測できている。計算結果では、5 位の水素が他の水素に比べて大きな hf を有しており、逆に他の水素の hf はほぼ 0 である。この事から、スペクトルの 1H による 2 本線 は 5 位の水素に帰属できる。

4.5.7 1,2,4,6-C₆H₂F₄+カチオンラジカル

1、2、4、6-C₆H₂F₄は水素とフッ素の置換位置が1、4.C₆H₄F₂に対して逆転した関係を持ってい ることから、電子構造への影響が興味深い。Fig.4.9A(3)にの最適化構造を示す。最 適化構造は母分子と同様 C_{2v}対称を示した。C₂軸は Fig.4.9B(3)中の破線、つまり1位と4位フ ッ素を通る直線で表される。SOMOは1、2-C₆H₄F₂+と同様 b₂対称をとっている。しかし、この





(1)

(Y)

(B) (1) $a_{\rm iso}^{\rm also}(1)$ 3.8 (6.28)

 $\begin{array}{c} a_{1so}(F) \\ 3.8 \\ (5.28) \\ (6.28) \\ F \\ F \\ 7.1 \\ (8.36) \\ P \\ H \\ H \end{array} \xrightarrow{b_{1g}(A)} D_{2h} \\ D_{2h} \\ D_{2h} \\ H \\ H \end{array}$

F

Fig.4.9 (A) Optimized structures for the radical cations of (1) 2,3,5,6-C₆H₂F₄, (2) C₆HF₅ calculated with the Gaussian 94 program at the uhf/3-21G level. The other caption for this figure can be seen in Fig.3-7. S² stands for S-like symmetry.

- 64 -

場合回転軸の方向が 1、2-C₆H₄F₂+と異なり、従って SOMO は S タイプの軌道である。つまり、 1、4 位の炭素に大きなスピン密度が存在している。また、2、3 および 5、6 結合は反結合性を示し ており、それぞれ母分子に比べ、結合長が短くなっている。

この結果もまた、ESR の結果を支持している。Fig.4.6(B)に示す 1、2、4、6-C₆H₂F₄+の ESR スペ クトルでは、1 位と 4 位のフッ素による 2×2 本線、さらにそれぞれが 3 本線に分裂した線形を 示している。前述ではこの 3 本線はその分裂の大きさから判断して 2、6 位の等価な 2F に帰属し ている。Fig.4.9B(3)に示す hf の計算結果を見ると、1、4 位のフッ素は大きな hf を有しており、実 験値との一致は悪いもののその傾向は再現されていると言える。また、2、6 位のフッ素の計算値 は 2B=2.39mT であり実験値 1.7mT と程よく一致している。これに対して、3、5 位の水素の計算 値は a_{iso} =-0.08mT と線幅以下の値を示している。この値はシミュレーションによって求めた 0.1mT に良く一致している。したがって、計算結果は ESR の実験結果を再現し、またその帰属 を支持しているといえる。

4.5.8 2,3,5,6-C₆H₂F₄+ラジカル

2,3,5,6-C₆H₂F₄の最適化構造を Fig.4.10A(1)に示す。2,3,5,6-C₆H₂F₄は 1,4-C₆H₄F₂と同様 D_{2h} と高い対称性を持ち、水素とフッ素の位置が逆の関係にあることからその電子構造は興味深い。 カチオンラジカルの最適化構造もまた母分子と同様 D_{2h} 構造を示し、SOMO は b_{1g} のAタイプの 軌道をとっている。つまり、水素とフッ素の置換位置の逆転により電子構造が 1,4-C₆H₄F₂の S タイプから Aタイプへ逆転している。2,3 結合と 5、6 結合はそれぞれ結合性軌道をとっており、 結合長は母分子に比べて伸長している。の ESR スペクトルは等価な 4F による 5本線を示してお り、2H の hf は線幅以下である。この実験結果は計算で評価された b_{1g} (A)構造に対応している。 Fig.4.10B(1)に示した、INDO による hf の計算値を見ると、フッ素の 2B は実験と計算で程よ い一致が見られている。また、水素に関しても、hf の評価値は微小であり、実験値と良く一致し ている。

4.5.9 C₆HF₅+カチオンラジカル

C₆HF₅+は C₆H₅F+に対して水素とフッ素の位置が逆転しており、ここでもその電子構造の変化 が期待できる。Fig.4.10A(2)に示す C₆HF₅+の最適化構造は母分子と同様 C₂v構造を示した。また SOMO は a₂対称構造を持ち、A タイプの軌道に属する。これは、S タイプを取っている C₆H₅F+ に対して電子構造の逆転が見られているということになる。A タイプの電子構造をとっているこ とから、2、3、5、6 位の炭素上におきなスピン密度が存在しており、それぞれの結合間は結合性軌 道となっている。このことにより、それぞれの結合が母分子に比べて伸長している。Fig.4.7(B) に示す C₆HF₅+の ESR スペクトルでは、10.8mT と 10.4mT の hf が僅かに異なる 2 種の大きな 2 本線が観測されており、さらに小さな 2 本線を含んでいる。A タイプの軌道をとっていることか ら、大きな hf をもつ 2×2 本線は明らかに二組の等価な 2F、2、6 位と 3、5 位のフッ素に帰属で きる。Fig.4.10B(2)に示すフッ素 2B の計算値では、2、6 位のフッ素は 8.69 mT、3、5 位のフッ素 は 8.36 mT であることから、10.8 mT は 2、6 位のフッ素、10.4 mT は 3、5 位のフッ素に帰属で きる。また、小さな 2 本線の分裂であるが、4 位の水素の等方性 hf は 0.15 mT と評価されてお り、シミュレーションより求めた実験値 0.6 mT をはるかに下回っている。これに対して、1 位の フッ素は a_{iso} ならびに 2B の計算値はそれぞれ実験値を上回っているが、他のカチオンラジカル におけるフッ素の hf の実験値と計算値の関係とほぼ同一である。この事から、小さな hf を持つ 2 本線は 1 位のフッ素に帰属可能である。

4.5.10 フッ素置換効果

分子軌道計算によってそれぞれのフッ素置換ベンゼンカチオンラジカルの電子構造を評価 した結果、ESRによる実験結果とよい対応を示した。また、フッ素置換数またその位置によっ て電子構造の違いが現われる事が示唆された。水素とフッ素置換位置を逆転させることにより、 その電子構造はAタイプ、Sタイプの間で逆転が起こることがわかった。置換位置が逆の関係 にあるフッ素置換ベンゼンは以下の通りである。

a. $C_6H_6^+(S)^1 vs C_6F_6^+(A)$

b. $C_6H_5F^+(S) vs C_6HF_5^+(A)$

c. $1, 4-C_6H_4F_{2^+}(S) vs 2, 3, 5, 6-C_6H_2F_{4^+}(A)$

d. $1_{1}4.C_{6}H_{4}F_{2}^{+}(A) vs 1_{1}2_{1}4_{1}6-C_{6}H_{2}F_{4}^{+}(S)$

いずれの場合に対してもその電子構造が逆転している事が分かる。

4.5.11 ¹⁹F-hfの実験値と計算値

¹⁹Fの *a*_{iso}および 2B の評価において、いずれの場合においても計算値は実測値を大きく上回 り、定量的な一致は得られなかった。これは、フッ素は多電子系であるがゆえに電子相関の評価 が INDO レベルでは困難であるとともに、先に述べたとおり、フッ素は大きな磁気モーメントを 有していることから、スピン密度に対して hf はかなり敏感に変化す

るためである。ところが、今回の計算結果を眺めてみると実験と計算の一致は悪いものの、計算 値はいずれも実験値を上回っており、さらにその誤差は極めて系統的であることが分かる。こ の結果は、適当なパラメーターを導入することによって、実験と計算の一致を測ることができ



Fig.4.10 The correlation between the observed hf coupling constants to ¹⁹F and the spin densities calculated by INDO method for the ab initio optimized geometries. (A) and (B) are the plots for isotropic hf (a_{iso}) vs. 2s spin densities and for anisotropic hf (2B) vs. 2p spin densities, respectively. Constants (C), *i.e.* the slopes of the fitted lines, and correlation coefficients (R), are given in this figure.
	a_{iso}		2 <i>B</i>	/mT	
Radical cation	exp.	cal.	exp.	cal.	¹⁹ F Nuclei
F	5.7	12.6	9.3	17.6	F_1
F	4.2	8.97	7.8	12.6	F _{1,2}
F	3.7	6.28	5.9	8.69	F _{1,3}
F	5.4	9.86	10.2	13.7	F _{1,4}
F F	5.5	9.86	9.5	14.6	F ₁
F	2.6	4.48	3.8	6.41	F ₂
F	4.7	6.72	8.0	10.2	F ₄
F	5.8	13.4	11.1	17.8	F_1
	1.1	1.79	1.7	2.39	F _{2,6}
F	4.4	6.72	8.3	9.34	F ₄
F F F	3.8	6.28	7.1	8.36	F _{1,2,4,5}
F -	0.6	-1.34	0.5	-1.09	\mathbf{F}_1
FFF	4.5	6.72	6.3	8.69	F _{2,6}
	4.3	6.28	6.1	8.36	F _{3,5}

Table 4.2 The experimental and calculated hf of ¹⁹F in fluorinated benzene cations

るということを示唆している。Pople¹⁴らは INDO で評価された水素 1s 軌道のスピン密度より、 水素の等方性 hf を計算するために 53.986 mT という値を導入した。これは、INDO の 1s スピ ン密度に対して、hf の実験値をプロットしてその直線の傾きより得られた値である。相関係数 は 0.99 とほぼ 1 に近い値を示している。本研究においてもフッ素の 2s、2pz のスピン密度に対 して、*a*iso、2B をプロットした。結果を Fig.4.11(A)と(B)に示す。それそれ、相関係数は 0.94、 0.95 と比較的良好な直線性を示した。また、プロットによって得られた aiso、2B の基準値はそれ ぞれ 23.8×10²、72.3 mT となった。そこで、これらのパラメーターを用いてフッ素の *a*iso なら びに 2B の評価を行った。結果を Table4.2 に示す。いずれの場合においても、実験値と計算値に よい一致が見られているのが分かる。

4.6 まとめ

本研究では、種々のフッ素置換ベンゼンカチオンラジカルを 77K における γ 線照射により、 CCl₈F や c-C₆F₁₂等のフルオロカーボンマトリックス中に生成、安定化し、ESR の観測を行っ た。いずれの ESR スペクトルにおいても、フッ素による軸対称異方性 hf が観測され、g 値は $g_1>g_{\parallel}$ であったことから、いずれも平面 π 型ラジカルである事が分かった。また、それぞれ母分 子と同様の電子構造を有することが分かった。さらに、フッ素と水素の置換位置を逆転させるこ とにより、電子構造も A ⇔ S の逆転が起こる事が分かった。

*ab initio*法による構造最適化の結果、A タイプは結合性軌道において結合が伸長し、S タイプ は反結合性軌道に置いて結合が縮小するという特徴が見られた。また、INDO 法によって評価し た電子密度分布は、実験結果と完全に対応した。hf の計算では水素の hf は実験値と良い一致が 得られ、フッ素の hf は等方性、異方性ともに実験値を大きく上回る結果となった。しかし、2s、 pz スピン密度の計算値に対して、それぞれ hf の等方性項、異方性項をプロットした結果、両者 に良い相関がえられた。これは、含フッ素πラジカルのフッ素 hf の計算の基準と成りうる。

- 1. M. Iwasaki, K. Toriyama and K. Nunome, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 320, 1983.
- K. Raghavachari, R. C. Haddon, T. A. Miller and V. E. Bondybey, J. Chem. Phys., <u>79</u>, 1387, 1983.
- 3. R. I. McNeil, M. Shiotani, F. Willams and M. B. Yim, Chem. Phys, Lett., 51(3), 1977.
- 4. K. Ohta, M. Shiotani and J. Sohma, Chem. Phys, Lett., 140(2), 1987.
- 5. (a) K. S. Chen, P. J. Krusic, P. Meakin and J. K. Kochi, J. Phys. Chem., <u>78</u>, 2014, 1974.
 (b) P. J. Krusic, K. S. Chen, P. Meakin and J. K. Kochi, J. Phys. Chem., 78, 2036, 1974.
 - (c) B. J. Krusic and P. Meakin, J. Am. Chem. Soc., <u>98</u>, 228, 1976.
 - (d) J. T. Wang and F. Williams, Chem. Phys. Lett., 71, 471, 1980.
 - (e) Y. N. Molin and B. A. Anisirnov, Rad. Phys. Soc., <u>98</u>, 2053, 1976.
 - (f) M. B. Yim and D. E. Wood, J. Am. Chem. Soc., <u>98</u>, 2053, 1976.
 - (g) M. B. Yim, S. DiGroegorie and D. E. Wood, J. Am. Chem. Soc., <u>99</u>, 4260, 1977.
 - (h) C. R. Brundle, M. B. Robin, N. A. Kuebler and H. Basch, J. Am. Chem. Soc., <u>94</u>, 1466, 1972.
- 6. (a) I. D. Clark and D.C. Frost, J. Am. Chem. Soc., 89, 244, 1967.
 - (b) J. R. Frazier, L. G. Carter and H. C. Schweinler, J. Chem. Phys., <u>69</u>, 3807, 1978.
 - (c) J. A. Sell and A. Kupperman, Chem. Phys., 33, 367, 1978.
 - (d) K. D. Jordan and P. D. Burrow, J. Chem. Phys., 71, 5384, 1979.
 - (e) L. G. Christophorou and H. C. Schweinler, J. Chem. Phys., 71, 5385, 1979.
- 7. C. B. Duke, K. L. Yip, G. P. Ceasar, A. W. Potts and D. G. Streets, J. Chem. Phys., <u>66</u>, 256, 1977.
- For example, (a) J. W. Rabalais, Principles of Ultraviolet Photo-electron Spectroscopy, Wiley, New York, 1977.
 - (b) D.W. Turner, C. Baker, A. D. Baker and C. R. Brundle, *Molecular Photoelectron* Spectroscopy, Wiley, New York, 1970.
 - (c) C. R. Brundle, M. B. Tobin and N. A. Kaubler, J. Am. Chem. Soc., 94, 1466, 1972.
- 9. (a) A. Hasegawa, M. Shiotani and H. Hama, J. Phys. Chem., <u>98</u>, 1834, 1994.
 - (b) T. J. Sears, T. A. Miller and V. E. Bondybey, J. Chem. Phys., 74(6), 1981.
- (c) K. Raghavachari, R. C. Haddon, T. A. Miller and V. E. Bondybey, J. Chem. Phys., 79(3), 1983.
- 10. K. Hiraoka, S. Mizuse and S. Yamabe, J. Phys. Chem., <u>94</u>, 3689, 1990.
- 11. M. Shiotani, H. Kawazoe and J. Sohma, J. Phys. Chem., <u>88</u>, 2220, 1984.
- 12. M. Shiotani, H. Kawazoe and J. Sohma (a) Proceedings of the 7th International Congress of

Radiation Research, A1-44, Martinus Nijhoff Publishers, Amsterdam, 1983. (b) Proceedings of the 22nd Japanese ESR symposium, p.127, 1983.

13. J. B. Foresman and Æ.Frisch, *Exploring Chemistry with the Electronic Structure Method*, 2 nd edn., Gaussian Inc., Pittsburgh, PA, 1996.

14. J. A. Pople and D. L. Beveridge, *Approximate Molecular orbital Theory*, McGraw-Hill, New York, 1970.

15. T. Shida, Y. Nosaka and T. Kato, J. Phys. Chem., 82, 695, 1978.

16. S. Katsumata and M.Shiotani, unpublished data.

17. A. Hasegawa and M. C. R. Symons, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1, 79, 93, 1983.

18. G. W. Eastland, D. N. R. Rao, J. Rideout, M. C. R. Symons and A. Hasegawa, J. Chem. Research (S), 258, 1983.

19. (a) C. Møller and M. S. Plesset, Phys. Rev., <u>46</u>, 618, 1934.

(b) J. S. Binkley and J. A. Pople, Int. J. Quantum Chem., 9, 229, 1975.

20. B. A. Goodman and J. B. Raynor, Adv. Inorg. Chem. Radiochem, 13, 135, 1970.

21. (a) M. Iwasaki, S. Noda and K. Toriyama, Molec. Phys., 18, 201, 1970.

(b) M. Iwasaki, Molec. Phys., 20, 503, 1971.

第五章 フッ素置換エチレン、プロピレンラジカルカチオンの

EPR と電子構造

5.1 はじめに

これまでに、さまざまなフッ素置換不飽和炭化水素カチオンラジカルの ESR が観測され、電 子構造が報告されてきた¹⁻⁵。いずれの場合もフッ素置換化合物において、フッ素が与える幾何 および電子構造への影響は極めて大きい⁶。前章で述べたフッ素置換ベンゼンカチオンラジカル は平面π型構造を示し、その SOMO はフッ素置換数、位置によりベンゼンの2つの縮退軌道の いずれかの特徴を有するこが分かった。

本章ではフッ素が与える C=C π 結合への影響を検討することを目的とし、選択的フッ素置換 オレフィンカチオンラジカルの構造について ESR による研究を行った。エチレンおよびプロビ レンカチオンラジカルは C=C π 軌道からのプロトン超共役により非平面をとる事が ESR⁹ およ び理論計算 ¹⁰より報告されている。Shiotani らはエチレンラジカルカチオン、C₂H₄*の ESR を 観測し、等価な 4H の hf、2.33mT より C=C 結合の回りに 45° ツイストしたモデルを提案した ^{11a}。しかし、このラジカルは Fujisawa らによって、*CH₂(CH₂)_nCH₂·に帰属された ^{11b}。Neon マ トリックス中で追試された結果、H₂C=CH₂*の ¹Hhf は約 0.3mT であった ^{5a}。Lunell らが行った 計算結果では、hf は-0.3mT であり、これはツイスト角 28° に対応している ^{12b}。一方、CCl₃F マ トリックス中に生成した CF₂=CF₂ラジカルカチオンでは、4 つの等価なフッ素による典型的な 軸対称 hf が観測され、CF₂=CF₂*の平面構造が示唆された ^{5a}。Toriyama らは、プロビレンカチオ ンラジカル(CH₂=CH-CH₃*)およびトリメチルエチレンカチオンラジカル((CH₃)₂C=CH(CH₃)*) の ESR を観測し、いずれにおいても CH 基のプロトンの異常に大きな hf を観測した。この結果 は、カチオンラジカルが非平面にツイストさらにベントした構造で説明された ¹³⁻¹⁵。INDO 計算 では、ツイスト角は 45°と評価された ¹⁴。

本研究では、選択的にフッ素置換したエチレンおよびプロピレンカチオンラジカルの ESR を 観測し、電子構造に与えるフッ素置換効果について議論し結果、いずれのフッ素化合物において も平面構造が示唆された。

5.2 実験

選択的フッ素置換エチレン、プロピレンとして1、1-ジフルオロベンゼン(CF2=CH2)、1、1、2-

トリフルオロベンゼン(CF₂=CFH)、2-フルオロプロビレン(CH₂=CFCH₃)、3、3、3-トリフルオロ プロピレン(CH₂=CHCF₃)、ヘキサフルオロプロビレン(CF₂=CFCF₃)を用いた。これらは、購入 したものをそのまま用いた。また、マトリックスとして、CCl₃F、CCl₂FCCl₂F、CClF₂CCl₂F、 CClF₂CClF₂、CC₆F₁₂、SF₆を用いた。これらのマトリックスは IP の大きさから、カチオンラジ カルのマトリックスとして用いられる¹⁶。サンプルは約 1mol%のフルオロエチレンまたはフル オロプロビレンを含む上記マトリックス溶液を真空ライン上で調製し、ESR サンプル管に真空 封入した。γ線照射は 77K において行い、吸収線量は約 1Mrad であった。ESR 測定は JEOL JES-PX-1X または Bruker ESP-300E X-バンド分光器により行った。磁場強度および g 値の校 正には Mn²⁺/MgO を用いた。昇温測定は Oxford クライオスタット ESR900 を用いて行った。ま た、ESR シミュレーションは Bruker Simfonia シミュレーションプログラムを用いて行った。

5.3 分子軌道計算

ab initio 計算はリンシェーピン大学、IFM の Cray Unicos 計算サーバー(Nobel)上の Gaussian94 プログラム¹⁷を用いた。ab initio 計算では uhf/6-31G レベルでカチオンラジカルの 構造最適化を行った。上記の方法で得られた最適化構造に基づいて INDO 法よりスピン密度分 布の計算を行った。H および F の等方性 hf は H の 1s、F の 2s 軌道のスピン密度よりそれぞれ 53.89mT、4482.920 mT¹⁸を基準値として計算した。また、hf の異方性項に関しては INDO の スピン密度を基に ANADIP¹⁹により電子と原子核の双極子-双極子相互作用の計算を行い、hf デ ンソルの主値並びに主軸を求めた。

5.4 実験結果

5.4.1 CF2=CH2+カチオンラジカル

Fig.5.1(a)に 1mol%のを含む CCl₃F に 77K で γ 線照射後、93K で観測した ESR スペクトル を示す。77K で観測された ESR スペクトルは全体的にブロードな線形を示したが、93K ではフ ッ素による特徴的な軸対称異方性 hf が明瞭に観測された。約 10.0mT の大き な hf を持つ 3 本線は明らかに、2F による平行成分に帰属できる。さらに、hf2.1mT を持つ 3 本 線が中央付近に観測された。この 3 本線は以下の 2 つのいずれかに帰属できる。

1)2Fによるhfの垂直成分

2)2H による hf(19Fhf の垂直成分はほぼ 0)

2.1mTはα-Hの値としては妥当である^{11,20}。一方、α-Fの垂直成分はπラジカルにおいては0

						Hf coupling constant/mT			t/mT		
Cation	Matrix	T/K	₿ ∥	g_{\perp}	giso	A_{\parallel}	A_{\perp}	a_{iso}^{b}	$2B^{c}$	Nuclei ^a	ref.
CH ₂ =CH ₂ ⁺	Ne	4.2			2.003			0.3		4H	12a
CF ₂ =CH ₂ ⁺	CCl ₃ F	93	2.002	2.004		10.0		3.7	6.3	2F	this work
						1.5	2.1, 0.3	1.3		2H	
CF ₂ =CFH ⁺	CCl ₃ F	105	2.003			22.3		8.3	14.0	1F(CHF)	this work
						12.1		4.5	7.6	2F(CF ₂)	
								1.6		1H	
						1.6				1F in CCl ₃ F	
	SF ₆					22.6		8.4	14.2	1F(CHF)	this work
						11.9		4.4	7.5	$2F(CF_2)$	
								1.6		1H	
						1.6				1F in CCl ₃ F	
CF ₂ =CF ₂ ⁺	CCl ₃ F	77	1.9905	1.9903		14.63	3	5.46	9.17	4F	2
						1.39				1F in CCl ₃ F	
CH ₂ =CHCH ₃ ⁺	CCl ₃ F	77			2.003			2.30		1H(CH ₂)	14
								1.20		1H(CH ₂)	
								2.40		3H(CH ₃)	
								0.70		1H(CH)	
CH ₂ =CFCH ₃ ⁺	CCl ₃ F	93	2.003					1.7		2H(CH ₂)	this work
								1.4		3H(CH ₃)	
						13	.8	5.1	8.7	1F	
$(CCl_3F)_2^+$	CCl ₃ F	156	2.00	5		9.3				2 ³⁵ Cl	this work
						7	.7			2 ³⁷ Cl	
CF ₂ =CFCF ₃ ⁺	CCl ₃ F	77	2.002	2 2.009)	22	.9	8.6	14.3	1F(CF)	this work
						1	1.5	4.3	7.2	$2F(CF_2)$	
	F-114					24	4.1	9.0	15.1	1F(CF)	this work
						1	1.5	4.2	2 7.0	$2F(CF_2)$	
	c-C ₆ F ₁₂					23.0		8.6	14.4	1F(CF)	this work
						1	1.4	4.3	7.1	$2F(CF_2)$	

Table 5.1 EPR parameters for the radical cations of a series of fluorinated ethylenes and propylenes and related cations.

a: ¹H for H and ¹⁹F for F. b: the approximate values for ¹⁹F calculated from the equation $a_{iso} = (A_{\parallel} + 2A_{\perp})/3$ on the basis of the relation of $A_{\perp} = 0.060A_{\parallel}$ derived from the data for the ¹⁹F couplings of fluorobenzene cations and those for ¹H, having negative signes, obtained on the assumption that the observed couplings are isotropic. c: calculated from $2B=A_{\parallel} - a_{iso}$

				Hf coupling c	constant/mT	
Radical	Solute	T/K	g. so	$a_{iso}(^{19}\mathrm{F})$	$a_{\rm iso}(^{1}{\rm H})$	ref.
CH ₂ CF ₃	CF ₂ =CH ₂	95	2.003	$3F_{\beta} 2.88$	2H _a 2.33	this work
		160	2.0023	$3F_{\beta} 2.961$	$2H_{\alpha} 2.377$	21
CF ₂ CFH ₂	CF ₂ =CH ₂	93	2.004	2F _a 8.22	$2H_{\beta}$ 0.	this work
				$1F_{\beta}$ 6.78		
CFHCF ₃	CF ₂ =CFH	123	2.004	$1F_{\alpha}$ 6.67	$1H_{\alpha} 2.04$	this work
				$3F_{\beta} 2.34$		
		167	2.0036	$1F_{\alpha}$ 6.618	$1H_{\alpha} 2.147$	21
				$3F_{\beta}2.525$		
CFH2CFCH ₃	CH ₂ =CFCH ₃	132	2.004	1F _a 13.78	3CH ₃ 2.25	this work
				3F _β 3.84	$2H_{\beta}$ 0.35	
CFH ₂ CHCF ₃	CH ₂ =CHCF ₃	107	2.002	1F _β 5.59	1H _a 2.59	this work
				3CF ₃ 2.59	2H ₆ 1.97	

Table 5.2 EPR parameters for the neutral radicals formed by annealing after irradiation of fluorinated ethylenes and propylenes in SF_6 matrices at 77K.



Fig.5.1 (a) First-derivative X-band EPR spectrum observed at 93K after γ -irradiation of a solid solution containing ca. 1mol% CF₂=CH₂ in CCl₃F at 77K, and (b) EPR spectrum simulated for the CF₂=CH₂⁺ cation using the parameters seen in Table 4-1. Table 5.3 EPR parameters of CF₂=CH₂ radical cation determined by computer simulation

g-value / Direction Cosin	$\begin{array}{ccc} 2.004 & 2.002 \\ (1, 0, 0) & (0, 0, 1) \\ (0, 1, 0) & (0, 0, 1) \end{array}$				
	9.98 (0, 0, 1)	1.5 (0, 0, 1)			
hf (mT) / Direction cosin	$\frac{1.0}{(\pm 0.64, 0.77, 0)}$	0.3 (±0.50, 0.87, 0)			
	1.0 (0.77, $\frac{1}{2}$ 0.64, 0)	2.1 (-0.87,± 0.50, 0)			
	2F	2H			

に近い値を示している 1-3。

次の方法によりフッ素の平行成分 10.0mT より垂直成分の大きさを粗く見積もった。第3章で 述べたフルオロベンゼンカチオンラジカルでは平行成分と垂直成分の間には以下の関係が成り 立った。

$$A_{\perp}(^{19}\text{F}) = 0.060A_{\parallel}(^{19}\text{F}) \quad (\text{R}=0.74)$$
 (5.1)

この関係式を用いると、CF₂=CH₂のフッ素 hf の垂直成分は 0.6mT と予想される。後に示すシ ミュレーションの結果においても、0.6mT は実験値と近い値であることが分かる。従って、 2.0mT はフッ素に帰属するには大きすぎると考えられる。ここでは、2.0mT は水素 hf であると 仮定しシミュレーションを行った。Fig.5.1(b)にシミュレーションを示す。シミュレーションは 非同軸系を仮定し、以下のパラメーターを用いて行った: g_{\perp} =2.004、 g_{\parallel} =2.002; 2F: A_{\perp} =1.0 mT、 A_{\parallel} =9.98 mT、 A_{iso} =3.99 mT、2H: A_{1} =2.1 mT、 A_{2} =0.3 mT、 A_{3} =1.5 mT、 A_{iso} =1.3 mT; ΔH_{\perp} =0.9 mT、 ΔH_{\parallel} =1.3 mT。

平行成分は温度上昇とともに、異方性の平均化により少しづつ減少していき、完全に等方性に なる前に 140K で減衰した。ESR スペクトルは 4K においても観測されたが、77K のスペクトル より変化が見られなかった。これは、77K においても CF2=CH2+は "rigid state"にあることを示 唆している。

SF6マトリックスにおいては、1H に帰属された中央の3本線は1.85mTのhfをもって明瞭に 観測された。95Kでは、等方性hfを有するいくつかの信号が観測された。これらのラジカルは、・ CH₂CF₃²¹と・CF₂CFH₂ラジカルに帰属された。ESR パラメーターをTable5.3に示す。SF6マト リックス中ではフッ素原子の付加反応が報告されている^{14,22,23}ことから、・CH₂CF₃と・CF₂CFH₂ はともにフッ素原子付加により生成したと考えられる。

5.4.2 CF2=CFH+カチオンラジカル

CF₂=CFH+の ESR は CCl₃F マトリックス中で観測された。77K ではスペクトルはブロ ードな線形を示したのに対し、105K に昇温すると、比較的分離の良い線形を得ることができた (Fig.5.2)。CF₂=CFH+の ESR スペクトルはフッ素による 2×3 本線の平行成分が明瞭に観測でき ている。2 本線は CHF 基の 1F に、3 本線は CF₂ 基の 2F にそれぞれ帰属可能である。それぞれの 吸収線はさらに細かく分裂しているのが分かる。この分裂を注意深く観測すると、二種類の 2本 線からなっていることが分かる。1 つは、0.98mT、もう 1 つは、1.63mT で分裂しているが、こ



Fig.5.2 First-derivative X-band EPR spectrum observed at 105 K after γ -irradiation of a solid solution containing ca. 1 mol% of CF₂=CFH in CCl₃F at 77K and stick diagram for CH₂=CFH⁺ calculated with parameters listed Table 4-1. の内の1つは CFH 基の1H に帰属できる。また、もう一つの2本線は分子中の核には帰属でき ないことから、マトリックス中のF原子による"super hyperfine"^{5,24}と考えた方が妥当である。 同様の実験は SF₆中においても行われた。SF₆中では、平行成分の外側の吸収線は SF₆ 由来の SF₆ と SF₅ラジカル²⁵の信号と重なっており、明瞭に観測できないものの、内側の吸収線は明ら かに 1.63mT の3本線を伴っている。溶質分子中のhf はマトリックスの影響をそれほど大きく 受けないことから、1.63mT の3本線は CFH 基中の水素 hf と SF₆分子中の1F が同等のhf を持 つことに起因すると考えられる。この結果から、CCl₃F 中で観測された 0.98mT は CCl₃F 分子中 の1F に帰属できる²⁴。SF₆マトリックスでは、123K で・CFHCF₃ ラジカルが観測された。ESR パラメーターは Table2 に示す。

5.4.3 CH2=CF-CH3+カチオンラジカル

Fig.5.3 に CCl₃F マトリックス中、77K で γ 線照射後、93K で観測された CH₂=CF-CH₃+の ESR スペクトルを示す。13.7mT の大きな hf は明らかに CH₂CFCH₃中の 1F に帰属でき、小さ な分裂は分子中の水素に帰属できる。水素による分裂は分離がそれほど良くはないが、2種の分 裂に帰属できる。一つは 1.66mT の 3本線、もう一つは 1.38mT の 4本線である。前者は、CH₂ 基の 2H に、後者は CH₃基の等価な 3H に帰属できる。平行成分の hf は温度上昇とともに減少 していった。これは、分子運動による異方性の平均化のためである。しかし、温度上昇によりラ ジカルの減衰が起こり、等方性スペクトルは観測できなかった。CH₂=CF-CH₃+の水素 hf が等方 的であると仮定し CH₂=CH-CH₃+のそれと比較すると、CH₂水素の hf はほぼ同一であるのに対 して、CH₃水素の hf は約半分の値にとどまっている。

F-113 および F-114 マトリックスを用いた結果では、77K で分離の良い等方的な 5本線が観測 された。F-113 マトリックスにおいてはブロードなの信号は上記の信号と重なって観測された。 この 5本線はアレンカチオンラジカル、CH₂=C=CH₂+、に帰属できる ²⁶(F-113: *g*=2.003、 *a*_{iso}=1.35 mT、F-114: *a*_{iso}=1.37 mT)。この 5本線は以前上記マトリックス中で観測された CH₂=C=CH₂+のスペクトルに極めて類似している。F-114 マトリックス においては 4.2K で照射後、同温で観測され、CH₂=C=CH₂+は 0.1-1.0 mol%とという低濃度サ ンプルにおいてのみ観測され、10-20 mol%という高濃度サンプルではマトリックス由来の信号 のみが観測されたことから、CH₂=C=CH₂+はイオン-分子反応ではなく、分子内における HF の 離脱反応によって生成したと考えられる。一方、F-113 マトリックス中では 119K において 5×2 本線からなる 10本線(*g*=2.003, *a*(1F)_{iso}=0.95 mT、*a*(4H)_{iso}=1.45 mT)と 5本線(*g*=2.003, *a*_{iso}=1.49 mT)が観測された。10本線と 5本線は部分的に重なっている(Fig.5.4(a))。以前の報告よ り ²¹10本線は"アリルタイプラジカル"、CH2=CF-CH2・に帰属できる。132K では、10本線は消



Fig.5.3 First-derivative X-band EPR spectrum observed at 93 K after γ -irradiation of a solid solution containing ca. 1 mol% of CH₂=CFCH₃ in CCl₃F at 77K and stick diagram for CH₂=CFCH₃⁺ calculated with parameters listed Table 4-1.



Fig.5.4 First-derivative X-band EPR spectrum observed at 119 K (a) and 132 K (b) after γ -irradiation of a solid solution containing ca. 1 mol% of CH₂=CFCH₃ in CClF₂CCl₂F (F-113) at 77K and stick diagram for CH₂=CF-CH₂[•] calculated with parameters listed Table 4.1. 滅し、5 本線のみが観測された(Fig.5.4(b))。この 5 本線は CH₂=C=CH₂を含む F-113 にγ線照射 した後 140K でも観測されており、hf は CH₂=C=CH₂+の 1.36mT より大きい。この 5 本線の帰 属は現在のところ不明である。

5.4.4 (CCl₃F)₂+ダイマーカチオン

Fig.5.5(a)に示す ESR スペクトルは、CH₂=CHCF₃を含む CCl3F マトリックスに 77K で γ 線 照射後に得られた。他のカチオンが可視光により容易に ブリーチできたのに対し、このラジカル 種はブリーチできなかった。また、120K においては、若干の線幅減少が見られたものの、スペ クトル線形に大きな変化は観測されなかった。さらに温度を上げていくと、スペクトルは減衰し ていき、それに代わって大きな hf の異方性を持つスペクトルが現われはじめた。156K における ESR スペクトルを Fig.5.5(b)に示す。なお、このスペクトルは 77K に温度を下げても変化しなか った。しかし、可視光照射により(a)のスペクトルへと変化した。このスペクトルに起因するラジ カル種は、CCl₃F の融点である 160K まで安定に存在した。スペクトル(b)の両すそに観測されて いる "wing peak"は塩素 hf の平行成分であるが、塩素には ³⁵Cl と ³⁷Cl が 1:1/3 の割合で存在す ることから、スペクトルは ³⁵Cl-³⁵Cl(69%)、³⁵Cl-³⁷Cl(23%)、³⁷Cl-³⁷Cl(8%)の組み合わせによる。ま た、このスペクトルはエチレンオキシドを含む CCl3F マトリックスに 4K で X 線照射後、10K で観測された ESR スペクトル ²⁷に極めてよく類似している。このラジカルはマトリックス分子 のダイマーカチオン、(Cl₂FCCl-ClCCl₂F)、に帰属された。エチレンオキシド/CClF₃の系ではダ イマーカチオンは 20-60K の領域で観測されたのに対して、CH₂=CHCF₃/CCl₃F の系では 135-160K と 77K に再冷却後に観測されたのは興味深い結果である。

Fig5.4(a)のスペクトルはダイマーカチオンの前駆体である可能性がある。このスペクトルに 起因するラジカルは光ブリーチされなかったことから、溶質分子のカチオンラジカルとは考え にくく、むしろ溶質カチオンと CCl3F の複合体と考えた方が妥当である。しかしながら、現在の ところ帰属には至っていない。

他のマトリックスを用いた場合、77Kのスペクトルはブロードであった。F-113 や SF6 の場合、 昇温により等方的なスペクトルを与えたが、これは CFH₂ C HCF₃ に帰属された。パラメーターを Table2 に示す。

5.4.5 CF₂=CF-CF₃+カチオンラジカル

CF₂=CF-CF₃+は CCl₃F、CClF₂CClF₂および cC₆F₁₂マトリックス中で観測された。Fig.5.6 に CF₂=CF-CF₃を含む CClF₂CClF₂に 77K でγ線照射後観測された ESR スペクトルを示す。スペ



Fig.5.5 First-derivative X-band EPR spectrum observed at 77 K (a) and 156 K(b) after γ -irradiation of a solid solution containing ca. 1 mol% of CH₂=CHCF₃ in CCl₃F at 77K and stick diagram for (CCl3F)₂⁺ calculated with parameters listed Table 4.1. クトルは γ 線照射後、可視光により ブリーチされた。 ブリーチ後のスペクトルは 図中破線スペクトルにより示してある。 Fig.5.6 に示した ESR スペクトルは ●を付けたマトリックスラジカルとは完全に異なり、カチオンラジカルの信号と考えられ、フッ素による特徴的な軸対称異方性スペクトルを与えている。 hf の平行成分は 24.05mT の 2本線と 11.21mT の 3本線による 2×3本線が観測されており、それぞれ CFR 基の 1F と CF₂ 基の等価な 2F に帰属できる。 これらのバラメーターは Table1 に示してある。 CF₃ 基の¹⁹Fhf の平行成分は観測されなかった。 CF₃ 基の F は等方性 hf を与えていると考えられる。 一方、垂直成分は、線幅に隠れており、観測できなかったが、これは π ラジカルにおける ¹⁹Fhf の典型的な例である。 CF₂=CFCF₃+の 19F は CF₂=CHF+のそれとかなり類似してる。 この結果は、 CF₂=CFCF₃+において CF₃ 基は電子構造に ほとんど関与していないことを示唆している。

CF₂=CFCF₃+は CCl₈F、CClF₂CClF₂および cC₆F₁₂以外のマトリックス中では観測されなかった。しかしながら、SF₆マトリックス中では 123K で中性ラジカルに帰属できるスペクトルを得た。報告されている CF₃ C FCF₃, C F₂ C F₂CF₃の ESR²¹と比較すると、このラジカルは . . . C F₂ C F₂CF₃のスペクトルと同様の Total hf を有していることから、後者に帰属可能である。

5.5 分子軌道法による電子構造の評価

5.5.1 構造最適化

Fig.5.7 に本研究で取り扱ったフッ素置換エチレン、プロピレンカチオンラジカルの最適化構造を示す。最適化は *ab initio*(uhf/6-31G)法を用いて行った。エチレンおよびプロピレンカチオンラジカルが非平面構造をとるのに対して、フッ素置換体の最適化構造はい

ずれも平面構造を示した。この結果は、フッ素置換によりフッ素の非結合性 pz 軌道が平面π共役 に寄与し、安定化効果をもたらすことによると考えられる。C=C 結合は、中性分子に比べて約 1.0Å伸長している。

5.5.2 INDO 法によるスピン密度分布並びに等方性 hf の評価

Fig.5.7 には、最適化構造に基づいて INDO 法により計算した水素 1s 軌道およびフッ素 2s、2pz のスピン密度と等方性 hf(括弧内)を示している。等方性 hfの値は水素 1s およびフッ素 2s 軌道の スピン密度にそれぞれ 53.986mT、4482.920mT¹⁸を掛けることによって求めた。また、フッ素 の異方性 hf は軸対称を仮定して $2p_z$ スピン密度に $2B_0=108.5mT^{29,30}$ を掛けることによって求め られる。¹⁹Fhf の実験値と計算値を比較すると、等方性、異方性 hf はいずれのカチオンラジカル



Fig.5.6 (a) First-derivative X-band EPR spectrum observed at 77 K after γ -irradiation of a solid solution containing ca. 1mol% CF₂=CFCF₃ in CClF₂CClF₂ at 77K, the spectrum with a solid line being observed before photobleaching at 77K and that with dashed line after photobleaching. The band indicated with black point are attributed to the radicals from the matrix molecule. The stick diagrm for CF₂=CFCF₃⁺ calculated with the parameters listed Table 5.1.



Fig.5.7 Optimized geometries for the fluorinated ethylene and propylene cations, calculated with a *Gaussian* 94 program at the uhf/6-31G level, together with the calculated spin densities and isotropic hf couplings in mT. The isotropic couplings in pharentheses were obtained from the s-spin densities calculated by the INDO method for the ab initio optimized structures.

においても、計算値が実験値を大きく上回っている。第3章で述べたフッ素置換ベンゼンの場合 にもこのような結果が得られた。INDOスピン密度Xに対してhfの実験値Yをプロットしたと ころ、両者に直線関係がある事が分かった。

Y = CX

(5.2)

等方性 hf、aiso(¹⁹F)と異方性 hf、2*B*(¹⁹F)に対して、それぞれ C=23.8(R=0.94)、72.3(R=0.95)が 得られた。これらの関係をフッ素置換エチレン、プロピレンカチオンラジカルに適用すると等方 性、異方性いずれにおいてもフッ素置換ベンゼンの場合とよい一致が得られた。

5.5.3 異方性 hf テンソルの評価

フルオロエチレンおよびプロピレンカチオンラジカルの ESR では、19F による特徴的な軸対称 異方性スペクトルが得られた。また、¹Hも僅かながら異方性を有している事が分かった。そこで、 INDO 法で評価したスピン密度分布並びに最適化幾何構造を基に、異方性 hf テンソルの主値並 びに主軸の評価を行なった。計算は ANADIP を用いて行った ^{19,20,28}。ANADIP より評価された 2Bは2Bo=108.5 mT²⁹を用いて評価した値と、式(5.2)の2Bo=72.3 mTを用いて計算した値のほ ぼ中間の値を示した。計算結果を Fig.5.8 に示している。いずれのカチオンラジカルにおいても、 ¹⁹F はほぼ軸対称 hf を有し、対称軸は(d)を除いては分子面に垂直となっている。これは、平面フ 方向と一致している。さらに、分子面垂直方向で主値の絶対値は最小、C-H 結合と面内で垂直 方向では最小(負に最大)となっている。このhfテンソルの傾向は符号の評価より理論的に妥当 といえる。(d)の H₂C=CFCH₃+の場合、¹⁹Fhfの主軸が分子面に垂直方向からややずれている。 これは次の原因によるものと考えられる。INDO法で評価した C=C のスピン密度分布を見ると、 スピンは他のカチオンと同様 pz を占有しているが、この場合若干 ps、ps つまり面内 p 軌道にス ビンが存在している。19Fの異方性hfは19F核と分子中のスピンとの相互作用の総和になること から、主軸方向は炭素 px, py 軌道の影響を受け分子面垂直からややずれていると考えられる。分 子面垂直方向の主値を2Bと仮定し、Table1に示した実験値と比較すると、(a)で実験値6.25mT に対して計算値 9.04mT とやや過大評価されているのを除いてはよい一致を示している。(a)の CF₂=CH₂+カチオンの ESR パラメーターは非同軸系を仮定したシミュレーションによって決定 された。この際、¹Hと¹⁹Fhfの主値はANADIPの計算値を参考にし、式(5.3)により求めた。

$$A_{ii} = a_{iso} + KP_{ii} \quad (i = x, y, z)$$

$$(5.3)$$



cosines of the axes are given in the parentheses by the x,y,z coordination system shown in this figure. densities using the ANADIP program for evaluation of dipol interaction. As for (d), the direction Fig.5.8 The principal values (mT) and axes for anisotropic hf tensors calculated based on INDO spin

式(5.3)において Pii は ANADIP より評価された ¹H および ¹⁹F 異方性 hf の主値、K は定数である。つまり、 a_{iso} と K を決めることでシミュレーションに用いる hf の主値の候補値が決定される。 1H に関しては、 a_{iso} =1.3 mnT、K=0.77、¹⁹F は a_{iso} =3.7 mnT、K=0.69 により最良のシミュレーションを得ることができた。

5.6 考察

5.6.1 フッ素置換による平面安定化

本研究で取り扱ったフッ素置換エチレンおよびプロピレンカチオンラジカルはいずれも平面 構造を有することが ESR および分子軌道計算より示唆された。この結果は、CH₂=CH₂+11,12 およ び CH₂=CHCH₃+13,15 などのオレフィンカチオンラジカルが非平面構造をとることを考えると興 味深い結果であり、フッ素置換効果とみなせる。これらのオレフィンカチオンが非平面構造を取 るのは、CH₂基や CH 基のプロトンの超共役効果によるものと考えられる ^{10e,15}。しかし、非平面 をとった場合 C=C π結合の重なりは平面に比べて小さくなり、この点のみを考えれば平面より 不安定となる。従って、カチオンの構造は両者のバランスにより決定されると考えられる。一方、 (CH₃)₂C=C(CH₃)₂+は平面構造を有する事が報告されている。これは、明らかに C=C 共役並びに CH₃基の超共役効果によるものである。

フッ素置換カチオンラジカルについて考えると、その SOMO はフッ素は 2pz 軌道を含んでお り、その結果特徴的な軸対称 ESR が観測される。このフッ素 2pz 軌道は平面構造をとった場合 分子内の共役に寄与する。従って、フッ素置換は分子を平面化させる効果を持っているといえ る。注目すべき点は、分子中にフッ素を1つだけ有している CH₂=CFCH₃+においてさえもその 構造は平面であるという事である。CH₂=CHCH₃+がプロトンの超共役効果により非平面化した ことを考えると、フッ素の平面化効果はかなり大きいといえる。

5.6.2 フッ素置換によるスピン密度分布の変化

フルオロエチレン、プロピレンカチオンラジカルのスピン密度分布はフッ素の置換数、位置に よって変化している。(a)CF₂=CH₂+、(b)CF₂=CFH+、(c)CF₂=CF₂+の CF₂基の ¹⁹Fhf は(a)<(b)<(c) の関係にある(Table1 参照)。つまり、¹⁹F はフッ素置換数の増加に伴って増加している。これは、 反対側の CH₂基がフッ素置換されることによって CF₂基の炭素のスピン密度が増加していくた めである。右側の炭素に結合したフッ素の ¹⁹Fhf は(b)>(c)、さらに ¹Hhf は(a)>(b)>(c)の関係にあ る事から考えても明らかである。*σ*タイプラジカルにおいては CF₂基の ¹⁹Fhf はフッ素置換数の



-92-

増加に伴って減少していくと考えられる。これは、フッ素が大きな電子吸引効果を有しているか らである。他方、πラジカルの場合には、フッ素のπ電子の逆供与^{31,32}により CF₂基の hf は増 加すると考えられる。Fig.5.7にフッ素置換オレフィンのエネルギーダイヤグラムを示している。 フッ素の IP は 17.4eV であり、炭素のそれよりも高い。従って、フッ素置換により C-F 基のエ ネルギー準位は上昇する。ここで、新たな炭素を結合させると、HOMO においてはこの炭素の p 軌道が支配的となることが分かる。したがって、πラジカルであるフッ素置換エチレン、プロ ビレンカチオンラジカルではフッ素置換により反対側の炭素 p 軌道のスピン密度が増加し、そ れに伴って ¹⁹F が増加するものと考えられる。

また、CF₂=CFH+と CF₂=CFCF₃+を比較すると ¹⁹F はともにほぼ等しいことが分かる(Table1 参照)。この結果は CH₂基の水素を CF₃基で置換しても全体の電子構造にはほとんど影響を及ぼ さないことを示している。CH₂=CHCH₃+の CH₂水素は互いに大きく非等価になっているのに対 し、CH₂=CFCH₃+では 2 つの水素の hf はほぼ等価である。これは、前述の通り CH₂=CHCH₃+ は非平面構造を有しているのに対して、CH₂=CFCH₃+は平面構造をとっていることに起因して いる。

5.7 まとめ

選択的フッ素置換エチレンおよびプロビレンカチオンラジカル(以下、フッ素置換カチオンラ ジカルと呼ぶ)の ESR はいずれも A_{||}(¹⁹F)≫A₁(¹⁹F)≒0 というフッ素の特徴的な軸対称異方性 スペクトルを与えた。得られた ESR パラメーターを分子軌道法により評価した結果、いずれの フッ素置換カチオンラジカルも平面構造をとることが分かった。この結果は、エチレンやプロビ レンカチオンラジカルがプロトンの超共役効果によって非平面構造をとるのに対して、フッ素 の π 共役効果による平面安定化で説明できる。ANADIP による異方性 hf テンソルの評価した結 果実験値と極めてよい一致を得ることができた。この結果からもフッ素置カチオンラジカルの 平面構造が支持された。また、INDO 法によるフッ素の 2s および 2pz のスピン密度と実験値の関 係はフッ素置換ベンゼンカチオンラジカルのそれにほぼ従っていることを見出した。フッ素置 換カチオンラジカルの CF² 基の ¹⁹Fhf はフッ素置換数によって増加した。この結果はフッ素の 逆供与効果によって説明できた。また、CF₂=CFCF₃+の CF₃ 基は電子構造にほとんど影響を与え ていないことが分かった。

- 1. A.Hasegawa, M. Shiotani and H. Hama, J. Phys. Chem., <u>98</u>, 1834, 1994.
- 2. A. Hasegawa, Y.Itagaki and M. Shiotani, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1625, 1997.
- 3. M. Shiotani, H. Kawazoe and J. Sohma, J. Phys. Chem., 88, 2220, 1984.
- 4. M. Shiotani, H. Kawazoe and J. Sohma, Chem. Phys. Lett., 111, 254, 1984.
- 5. (a)A. Hasegawa and M. C. R. Symons, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1, 79, 93, 1983.
 (b)K. Ohta, M.Shiotani and J. Sohma, Chem. Phys. Lett., 140, 148, 1987.
- 6. (a) C. R. Brundle, M. B. Robin, N. A. Kuebler and H. Basch, J. Am. Chem. Soc., <u>94</u>, 1451, 1972.
 (b) C. R. Brundle, M. B. Robin, N. A. Kuebler, J. Am. Chem. Soc., <u>94</u>, 1466, 1972.
- M. Tabata, A. Lund, P.O. Samskog, S. Lnell and M. B. Huang, J. Polymer Sci. A, <u>26</u>, 2725,1988.
- 8. For example, S. Shik, J. Catal. 79, 390, 1983.
- 9. (a) A. Hasegawa and M. C. R. Symons, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1, <u>79</u>, 1565, 1983.
 (b) K. Ohta, M. Shiotani and J. Sohma, Chem. Phys. Lett., <u>140</u>, 148, 1987.
- 10. (a)S. Marry and C. Thomson, Chem. Phys. Lett., <u>82</u>, 373, 1981.
 (b)M. N. Raddon-Row, N. G. Randau and K. N. Houk, J. Am. Chem. Soc., <u>104</u>, 1143, 1982.
 (c)D. J. Bellville and N. L. Bauld, J. Am. Chem. Soc., <u>104</u>, 294, 1982.
 (d)M. Kira, H. Nakagawa and H. Sakurai, J. Am. Chem. Soc., <u>105</u>, 6983, 1983.
 (e)H. Nakatsuji, J. Am. Chem. Soc., <u>95</u>, 2084, 1973.
- 11. (a) M. Shiotani, Y. Nagata and J. Sohma, J. Am. Chem. Soc., <u>106</u>, 4640, 1984.
 (b) J. Fujisawa, S. Sato and K. Shimokoshi, Chem. Phys. Lett., <u>124</u>, 391, 1986.
- 12. (a) M. Shiotani, L. Sjoqvist and A. Lund, *unpublished data*.
 (b)S. Lunell and M. B. Huang, *Chem. Phys. Lett.*, <u>168</u>, 63, 1990.
- 13. K. Toriyama, K. Nunome and M. Iwasaki, Chem. Phys. Lett., 77, 5981, 1982.
- 14. M. Shiotani, Y. Nagata and J. Sohma, J. Phys. Chem., <u>88</u>, 4078, 1984.
- 15. K. Toriyama, K. Nunome and M. Iwasaki, Chem. Phys. Lett., 107, 86, 1984.
- A. Lund and M. Shiotani, *Radical Ionic Systems*, Kluwer Academic. Pub. Dordrecht, 1991.
- J. B. Foresman and Æ. Frisch, *Exploring Chemistry with Electronic Structure Method*, Second Ed., Gaussian Inc., Pittsburgh, PA, 1996.
- J. A. Pople and D. L. Beveridge, Approximate Molecular Orbital Theory, McGraw-Hill, New York, 1970.
- 19. O. Edlund, A. Lund, M. Shiotani, J. Sohma and K. -A. Thuomas, Molec. Phys., 32, 49, 1976.

- 20. L. Sjoqvist, M. Shiotani and A.Lund, Chem. Phys., 141, 417, 1990.
- 21. K. S. Chen, P. J. Krusic and J. Kochi, J. Chem. Phys., 78, 2014, 1974.
- 22. For example, (a) R. W. Fessenden and R. H. Schuler, J. Phys. Chem., <u>45</u>, 1845, 1966.
 (b) K. Sogabe, A. Hasegawa, T. Komatsu and M. Miura, Chem. Lett., 663, 1975.
 - (c) A. J. Colussi, J. R. Morton and K. F. Preston, J. Phys. Chem., 79, 1855, 1975.
- 23. M. Shiotani, Y. Nagata and J. Sohma, J. Phys. Chem., <u>86</u>, 4131, 1982.
- 24. T. Clark, A. Hasegawa and M. C. R. Symons, Chem. Phys. Lett., 116, 79, 1985.
- 25. A. Hasegawa and F. Williams, Chem. Phys. Lett., 45, 275, 1977.
- 26. Y. Takemura and T. Shida, J. Chem. Phys., 73, 4133, 1980.
- M. C. R. Symons, B. W. Wren, H. Muto, K. Toriyama and M. Iwasaki, *Chem. Phys. Lett.*, <u>127</u>, 424, 1986.
- 28. Y. Itagaki, M. Shiotani and H. Tachikawa, Acta. Chem. Scand., 51, 220, 1997.
- 29. J. R. Morton, Chem. Rev., 64, 453, 1964.
- 30. B. A. Goodman and J. B. Raynor, Adv. Inorg. Chem. Radiochem., 13, 135, 1970.
- 31. (a) C. B. Duke, K. L. Yip, G. P. Ceasar, A. W. Potts and D. G. Streets, J. Chem. Phys., <u>66</u>, 256, 1977.
 - (b) W. A. Sheppard and C. M. Shart, Organic Fluorine Chemistry, Benjamin, New York 1969, Chapter 6. p81.
 - (c) R. D. Chamber, Fluorine in Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 1973, Chapter 4, p64.
- 32. A. Hasegawa, A. Nagayama and M. Hayashi, Bull. Chem. Soc. Japan, 54, 2620, 1981.

第六章 被照射 Ag+交換 A型ゼオライト中における Ag+の挙動と

Ag-NH3 複合体のキャラクタリゼーション

6.1 はじめに

2-5章において、種々の有機マトリックスを用いたイオン化射線照射により、カチオンラジ カルおよびアニオンラジカルを生成安定化した。ここでは、ゼオライトをマトリックスとして 用いた研究を行った。ゼオライトマトリックスは比較的小さい分子のマトリックスとして以前 から用いられており、主に ESR、NMR による研究がなされてきた。ゼオライトは Si-O-Si の"framework"で構成され、種々の大きさの"cage"を形成している(Fig.6.1)。分子が cage 内部に 進入できる場合には、ゼオライトはその分子のマトリックスとなりうる。NO、NO2³⁹などの比 較的安定なラジカルをスピンプローブとして用い、ゼオライト中での分子運動についての議論 がなされてきた。ゼオライトを用いた ESR は不安定ラジカル種にも適用されている。この場合、 不安定ラジカル種は放射線照射によって生成し、cage 内で安定化されている。多くの場合、生 成したラジカル種は特に不安定なイオンラジカル種は、通常の有機マトリックスにくらべてよ り高温領域においても安定化されているのが大きな特徴である。言い換えれば、ゼオライトを用 いることで、高温領域での分子運動の情報が得られることになる。

さらに、ゼオライトは触媒としての機能を有していることから、多くの場合、吸着分子との 相互作用が大きく、特徴的な反応が観測される場合がある。本研究では、ゼオライトをマトリッ クスおよび吸着物質との反応体として取り扱っている。

 γ 線照射した銀イオン交換ゼオライトは分光学的および触媒としての見地からこれまでに興味が持たれてきた¹。77Kで照射された水和 AgNa-A ゼオライトにおいて、主生成物として Ag 原子と Ag²⁺が報告されている²。これらは熱的に不安定種であり、加熱により他の Ag⁺と反応し Ag²ⁿ⁺、Ag³ⁿ⁺、Ag⁴ⁿ⁺および Ag⁶ⁿ⁺などの Ag クラスターを形成することが報告されている。ゼオラ イト中におけるこれらのクラスターの幾何構造および位置は、X 線回折 ³⁻⁶、ESR⁷⁻²¹および電子 スペクトル ²²⁻²⁶により幅広く研究されてきた。

ゼオライト中^{17,18}またはアルコールマトリックス中²⁷における Ag 原子とN 原子の相互作用 は以前から興味が持たれ、ESR による研究が行われてきた。Michalik ら^{17,18}は、NH₃を吸着し た Ag₁Na₁₁-A および Ag-SAPO-42 ゼオライト中を 77K において γ 線照射し、250K において 1:2:2:1 の 4 本線を観測た。この 4 本線は AgNH₃ 複合体に帰属された; a_{iso} (¹⁰⁹Ag) = a_{iso} (¹⁴N)=14.5mT。ESR パラメーターにおいて、¹⁴Nhf は例外的に大きな hf を有している。さ



らに、彼らは ND₃ を吸着した Ag₆Na₆-A ゼオライトでの実験も行った。ここでは 1:2:2:2:2:2:1 の 7 本線を観測しており、AgND₃ と Ag⁺(ND₃)¹⁸中の Ag との相互作用によると結論している。 しかしながら、77Kにおけるγ線照射で NH₃/Ag ゼオライト中に生成するラジカル主についての 詳細な報告は行われていない。我々は低交換 Ag_nNa_{(12-n}A ゼオライト(Fig.6.1)に NH₃ を吸着後、 77K におけるγ線照射により新たなタイプの AgNH₃ 複合体を検出した。本研究では、AgNH₃ 複合体の ESR を観測し、帰属とともに複合体の構造およびゼオライト中における位置について 検討した。

6.2 実験方法

6.2.1 試料およびγ線照射

Ag 低交換率を有する Ago.1Na11.9A ゼオライトは以下に示すように調製した。Linde Na-A ゼ オライトを AgNO3(99%、和光純化学工業)溶液中、室温で 5 時間攪拌し、Ag+交換を行った。ゼオ ライトは濾過後、イオン交換水により洗浄し、余分な Ag+を取り除いた。得られた、Ag 交換ゼ オライトは真空下、298K で 1 日乾燥した。ゼオライト中の Ag 含有量は IPC 測定により求めた。 調製したゼオライト 0.05g を真空下、383K で 5 時間加熱し、脱水した後、10-30torr の NH3(95%、 高千穂工業)または ND3(95%、高千穂工業)を室温で一昼夜さらした。その後、77K 暗中でγ線照 射(⁶⁰Co 線源)を行った。線量はおおよそ 1Mrad であった。

6.2.2 ESR 測定

ESR 測定には Bruker ESP300E または JEOL JES-RE1X スペクトルメーターを用いた。測 定温度は 77K-240K の範囲で行った。さらに、ESR シミュレーションは Bruker Simfonia シミ ュレーションプログラムを用いた。

6.2.3 分子軌道計算

AgNH₃の構造最適化並びに電子構造の評価は、広島大学情報処理センターの Cray Unicos 計 算サーバー上の *ab initio* 法を用いて行い、uhf/3-21G**レベルの計算を行った。

6.3 結果および考察

6.3.1 Ag クラスターカチオン



Fig.6.2 EPR spectra of (a) Ag(I)⁰, (b) Ag(II)⁰, (c) Ag₂⁺, (d) Ag₃²⁺ generated in g-irradiated Ag_{0.1}Na_{11.9}-A zeolite. The spectrea was observed at 130, 160, 210, 240 K, respectively.

Ag0.1Na11.9-A ゼオライト(以下 Ag ゼオライトと呼ぶ)に 77K で γ 線照射後に ESR 測定を行った。照射直後 77K では2種類の2本線が2組観測された。スペクトルを Fig.6.2(a)に示す。これは2種類のサイトに Ag 原子が存在することを示唆している²。Ag は ¹⁰⁷Ag と ¹⁰⁹Ag の2種類の同位体をそれぞれ天然存在比 51.8%、48.2%で有し、いずれも核スピン 1/2 である。また、¹⁰⁹Ag は ¹⁰⁷Ag の約 1.15 倍の核磁気モーメントを有している。従って、合計 4種の2本線が観測されることになる。それぞれの2本線のhf は 57.4mT、49.9mT、54.5mT、47.4mT である。57.4mT と 49.9mT および 54.5mT と 47.4mT はそれぞれ ¹⁰⁹Ag と ¹⁰⁷Ag の核磁気モーメントの比となっていることから。Fig.6.2(a)のスペクトルは以下のように帰属できる; Ag(I): a_{iso} (¹⁰⁹Ag)=57.4 mT、 a_{iso} (¹⁰⁹Ag)=49.9 mT、Ag(II): a_{iso} (¹⁰⁹Ag)=54.5 mT、 a_{iso} (¹⁰⁹Ag)=47.4 mT。サイト I の信号強度はサイト I により多く存在することが分かる。

サンプルを 130K に加熱すると Ag(II)は減衰し、一方 Ag(I)の信号強度は増大した。これは、 明らかに加熱により Ag(II)から Ag(I)への転移が起こったとを示唆している ¹⁵(Fig6.2(b))。さら に加熱すると、Ag(I)は減衰し、それに伴って Ag クラスタ-の生成が観測された。210K では Ag²⁺(a_{iso} (¹⁰⁹Ag)=30.9 mT)^{11,15}、240K では Ag²⁺(a_{iso} (¹⁰⁹Ag)=22.1 mT)^{11,14,15} がそれぞれ観測され た。ESR スペクトルをそれぞれ Fig.6.2(c)、Fig6.2(d)にしめす。

6.3.2 Ag-NH3 複合体の生成

Ag ゼオライトに NH₃を導入後、 γ線照射を行うと、新たな ESR スペクトルを観測すること ができた。これは、明らかに NH₃ が存在しない系とは異なるスペクトルである。なお、このスペ クトルは NH₃ 未導入の系のみならず Ag*で交換していないゼオライトにおいても観測されない ことから、Ag と NH₃の相互作用に起因していると考えられる。Fig.6.3(a)に NH₃を 30torr 導入 し γ線照射後 77K で観測した ESR スペクトルを示す。中央の強度の強い信号は NH₂・ラジカル ²⁸によるものである。このラジカルは γ線照射した NaN₃/H₂O の系でも観測されており⁴¹、同 様の ESR パラメーターを与えている。NH₂・はおそらく Ag と相互作用していない NH₃より生 成するものと考えられる。Ag と NH₃の相互作用に由来する信号は水素原子の 2本線の信号付近 に観測されており、大きな hf を持つ 2本線はさらに分離の悪い信号を伴って観測されている。2 本線の hf はおおよそこの結果は、Ag 上のスピン密度が若干 NH₃の方に流出していることで説 明できる。また、この系においては Fig.6.2 で観測されたような Ag 原子に由来する信号は得ら れなかった。

サンプルを110Kに昇温すると、スペクトルの強度は徐々に減衰していった。しかし、それ に伴って線幅は小さくなっていき、150Kでは比較的分離のよい信号を得ることができた (Fig.6.3(b))。また、この変化は不可逆的であった。この線形変化は以下の2通りに解釈できる。





- (1) 77K では2種のラジカル種が存在し、熱によって少なくとも1種の成分が別のラジカル種 に転移した。
- (2) 昇温とともに熱的に不安定な成分が消滅していき、150Kでは安定な成分のみが観測された。

(1)を仮定した場合、ラジカルの減衰は説明できないことから、ここでは(2)の場合が妥当と考えられる。(2)において熱的安定成分、不安定成分をそれぞれ以降 adduct1、adduct2 と呼ぶ。
 Fig.6.3(b)のスペクトルは adduct1 によるものである。

NH₃ 導入量を 30torr から 10torr に下げると、それに伴って adduct2 の ESR 強度が減少した。 77K における ESR スペクトルを Fig.6.4(a)に示す。Fig.6.3(a)と Fig.6.4(a)を比較すると、77K では明らかに adduct1 の線形の一部が観測されている。この結果は、150K で観測された adduct1 は 77K においても存在し、昇温とともに adduct2 が消滅していることを支持している。 また、 adduct1 と adduct2 の存在比は 10-30torr の範囲では NH₃ の導入量に依存していること が分かる。NH₃の導入量を増やしていくと、 adduct2 が支配的となる。また、 10torr 導入の系で は、150K において Ag 原子の 2 種の 2 本線が観測された。この Ag 原子は導入量が低いことから NH₃ と未反応の Ag⁺が γ 線照射により還元されて生成していると考えられる。150K のスペクト ルを Fig.6.4(b)に示している。

NH₃の代わりに ND₃を導入した系で実験を行った結果、70-150K ではスペクトル線形に変化 が観測されなかった。この結果は、adduct1 および addcut2 の ESR において NH₃のプロトンは hfs にほとんど寄与していないことを示している。プロトンが寄与していれば、重水素置換によ り hf は約 1/6.5 となり、核スピンは 1 となることから大きな線形変化が観測されるはずである。 言い換えれば、観測されたスペクトルの hf は Ag と N 原子のみで構成されていることになる。

比較的分離がよくさらに単独で観測された adduct1 の ESR シミュレーションを試みた。その 結果、Ag⁰-NH₃を仮定して以下のパラメーターにより実験スペクトルとよい一致を得ることが できた; g_{\perp} =2.006、 g_{\parallel} =2.002、 a_{iso} (¹⁰⁹Ag)=44.0 mT、 a_{iso} (¹⁰⁷Ag)=38.0 mT、 A_{\perp} =1.4 mT、 A_{\parallel} =1.7 mT Δ H_L=1.0mT(Fig.6.2(c))。このシミュレーションでは Ag 原子の hf の大きさから 2 次の摂動 を考慮に入れて計算を行った。

6.3.3 [AgNH₃]⁰の電子構造

前節では NH₃を導入した Ag ゼオライトへのγ線照射により少なくとも Ag^oNH₃が生成する ことを述べた。シミュレーションによって求まった Ag^oNH₃の ESR パラメーターにおいて、 ¹⁰⁹Ag の hf は単独の ¹⁰⁹Ag 原子のそれの約 0.8 倍となっている。また、¹⁰⁷Ag についても同様のこ とが言える。これは、前述の通り Ag 上のスピン密度が N 原子に流出したことによる。また、Ag



Fig.6.4 EPR spectra of γ -irradiated Ag_{0.1}Na_{11.9}-A zeolite adsorbed with NH₃ (10 torr). The mesurement temperature was (a) 110, (b) 150.

上のスピンは Ag5s 軌道に存在していると考えられる。これは、Ag はほぼ等方性 hf を有してお り、なおかつその値は Ag 原子に近いことによる。Kasai らは希ガスマトリックス中、4K で Ag-(C₂H₄)複合体の ESR を観測し、Ag 上のスピンは d-p 混成軌道を占有していると結論してい る ⁴⁰。この ESR において Aghf は本実験に比べて極めて小さく 1-2.5mT の範囲内である。この 事からも、AgNH₈は Ag 原子に近いつまり 5s 軌道の寄与が大きい事が分かる。

Ag 原子、N 原子に対して、ともに単位量のスピンが存在した場合の hf はそれぞれ $a_{iso}(^{107}Ag, 5s)^*=41.9 \text{ mT}^{29}, 2B(^{14}N, 2p)^*=3.4 \text{ mT}, a_{iso}(^{14}N, 2s)^*=55.2 \text{ mT}^{30}$ と報告されている。AgNH₃中の Ag、N が上記の報告と類似した電子構造をとっていると仮定して、hf の比からスピン密度の評 価を行った。その結果、 $\rho_{5s}(^{107}Ag)=0.91, \rho_{2p}(^{14}N)=0.059, \rho_{2s}(^{14}N)=0.027, \rho_{1s}(^{1}H)=0$ と評価され、 スピンの約 90%は Ag5s 上に存在していることが分かる。

AgNH₃の不対電子軌道(SOMO)は反結合性軌道をとっていると考えられ、原子波動関数の線 形結合により以下のように表される。

$\Phi(\mathrm{Ag}\mathrm{-}\mathrm{NH}_3) = a_1 \phi(\mathrm{Ag}) - a_2 \phi(\mathrm{NH}_3)$	(6.1)
$\stackrel{\bullet}{=} a_1 \phi(\mathrm{Ag}, 5\mathrm{s}) - a_2 \phi(\mathrm{NH}_3, \mathrm{sp^n})$	(6.2)

Ag 原子と NH₃の第一イオン化エネルギーはそれぞれ 7.57、10.16eV と報告されており ³¹、そ れぞれ Ag5s 軌道と Nspⁿ(n はほぼ 3)非共有電子対軌道のエネルギー準位に対応している (Fig.6.7 参照)。イオン化エネルギーの大きな違いを考慮すると、AgNH₃の SOMO においては Ag5s 軌道が支配的であることが予想できる。 N 原子の非共有電子対軌道は以下の式で表され る。

$$\Phi(\mathrm{NH}_{3},\mathrm{sp^{n}}) = c_{\mathrm{s}}\phi(2\mathrm{s}) - c_{\mathrm{p}}\phi(2\mathrm{p}) \tag{6.3}$$

従って、p2p(14N)、p2s(14N)はそれぞれ以下のように表すことができる。

$$c_{\rm s}^2 = \rho_{\rm 2s}({}^{14}\rm{N}) = a_{\rm iso}({}^{14}\rm{N}, 2\rm{s}) / a_{\rm iso}({}^{14}\rm{N}, 2\rm{s})^* = 0.027$$
(6.4)

$$p_{\rm p}^2 = \rho_{\rm 2p}(^{14}\rm N) = 2B(^{14}\rm N, 2p)/2B(^{14}\rm N, 2p)^* = 0.059$$
(6.5)

ここで、 $\lambda = c_{p}^{2}/a^{2}$ とおくと、結合角 $\angle Ag-N-H(\equiv \theta)$ および $\angle H-N-H(\equiv \psi)$ (Fig.6.7 参照)は NH₃ が C_{3v}対称をとると仮定して以下のように表される ³⁰。


(b)



Fig.6.5 (a) Schematic representation of the associated SOMO together with the spin densities of ρ_{5s}(¹⁰⁷Ag),ρ_{2p}(¹⁴N),ρ_{2s}(¹⁴N), and ρ_{1s}(¹H), evaluated from the hf splittings and (b) optimized geometry of AgNH3 by ab initio method.

$$\psi = \cos^{-1} \left[\frac{1.5}{2\lambda^2 + 3} - \frac{1}{2} \right]$$

$$\theta = \cos^{-1} \left[\frac{1}{2\lambda^2 + 3} \right]^{0.5} \quad (90^\circ < \theta < 180^\circ) \tag{6.7}$$

(6.6)および(6.7)式に(6.4)、(6.5)式で得た c_{s} 、 c_{p} の値を代入すると、 ψ =107°、 θ =112°が得られる。これらの値は sp³軌道の値 109.47°に近いことが分かる。

次に、*ab initio*法を用い、MP2/3-21G**レベルで構造最適化を行った。計算結果を Fig.6.5(b) に示す。最適化構造と実験結果を比較すると、 ψ =108.3° (cal.) vs θ =107° (exp.)、 ψ =110.7° (cal.) vs θ =112° (exp.)といずれもよい一致を示していることが分かる。

6.3.4 Ag(NH3)2 生成の可能性

前節までの結果から、系内に少なくとも AgNH₃が生成していることが分かった。しかしなが ら、adduct2 は単独で ESR が観測できないこと、さらには adduct2 が存在していると考えられ る 77K においてはスペクトルがブロードであり解析が困難であることから、直接的にその帰属 を行うのは不可能である。そこで、本研究では、adduct2を Ag(NH3)2、2 配位の Ag-NH3 複合体 であると仮定し、以下の実験を行った。NH3(28wt%)を AgNO3(7×10-2mol·dm-3)に溶解させ、 77Kの固体状態でγ線照射を行ったのち ESR 測定を行った。ESR スペクトルを Fig.6.3(d)に示 している。中央の信号はゼオライト系と同様 NH2・ラジカルの信号に帰属できる。スペクトルの 両すその水素原子の信号付近にブロードな信号が得られている。これは、AgNO3のみをγ線照射 した系では Ag 原子の信号のみが観測されたことから、Ag-NH3 複合体の信号と考えられる。水 溶液中で Ag+は[Ag-(NH₃)₂]+を形成することが報告されている ³²ことから、Fig.6.3(d)は[Ag-(NH₃)₂]+中の Ag+がγ線照射により還元された結果、Ag(NH₃)₂が観測されていると考えられる。 また、スペクトルは Ag の hf が若干大きい事を除いては、Fig.6.3(a)または Fig.6.2(a)に類似し た線形を示していることが分かる。特に、adduct2 が支配的と考えられる Fig.6.1(a)ではその類 似性は大きい。以上の結果から NH3を吸着した Ag0.1Na11.9A ゼオライトへの γ線照射で AgNH3 に加え、Ag(NH₃)2が生成することが示唆された。Ag ゼオライト中における Ag(NH₃)の ESR は 現在のところ不明である。この結果と同様 ND3 を吸着した AgNa-Y ゼオライト中において [Ag(ND₃)₂]+が NMR により観測されている ³³。Fig.6.3(d)の ESR において Ag(NH₃)₂の信号は 130Kにおいて消滅し、新たなラジカルの生成は認められなかった。つまり、AgNO3溶液中で Ag(NH₃)2は Ago.1Na11.9A ゼオライト中とほぼ同じ安定性を示していることが分かる。

(6.6)

6.4 考察

6.4.1 Ag ゼオライト中での AgNH₃ および Ag(NH₃)₂の生成機構およびその位置

NaA ゼオライトを Ag+でイオン交換する際、Ag 交換率が低い場合には Ag+はゼオライト中 のS2'サイトを選択的に占めることが報告されている³⁴⁻³⁶。S2'は六面体格子窓よりβ-cage内に若 干シフトした位置に存在している(Fig.6.6参照)。この六面体格子窓の直径 2.2Åは NH3 分子の直 径に比べて小さく、したがって NH₃は内部に進入できないと考えられる。従って、NH₃導入後、 AgNH₃および Ag(NH₃)₂の前駆体である[AgNH₃]+および[Ag(NH₃)₂]+が β-cage に存在するとは 考えにくく、むしろ β-cage の外側の α-cage にあると考えた方が妥当である。α-cage における前 駆体の生成は次のように説明できる。383Kの熱処理とその後の室温における NH3 導入過程、若 しくはそのどちらか一方において一部の Ag+は S2'サイトから S2 または S2*サイトに移動する。 S2、S2*サイトはいずれも六面体格子窓上またはそれよりα-cage 側に存在する(Fig.6.6参照)。 とくに S2*サイトにおいては Ag+は容易に前駆体[AgNH₃]+および[Ag(NH₃)₂]+を形成することが できる。ここで、[Ag(NH3)2]⁰が直線構造を有していると仮定すると³⁷、立体障害からS2サイ トでは2配位を形成しにくいと考えられる。これに対して、AgNH3はS2サイトでも形成可能で ある(Fig.6.6(a)参照)。しかしながら、NH3が sp3 に典型的な 4 面体構造からべつの構造へ変化し、 β-cage に NH₃の非共有電子対軌道が進入できる場合には、S2'サイトで AgNH₃ が形成される可 能性はある。S2'サイトにおける複合体の生成は、AgNaA ゼオライト中で Ag クラスタ-有機分子 の形成が報告されている¹³。観測された AgNH3の¹⁴Nhfは sp³を仮定して説明ができた。従って、 AgNH₃において NH₃が特殊な構造をとっているとは考えられない。

6.4.2 Ag クラスターの生成阻害

NH₈を導入した Ag_{0.1}Na_{11.9}A ゼオライトに γ 線照射すると AgNH₈ 複合体が得られることが 分かったが、さらに注目すべき結果として、昇温によって Ag₂+、Ag₃+または Ag₆n+などの Ag クラ スターが生成しなかった事である。200-240K では Na₄³⁺クラスター³⁸の 13 本線が観測されるの みであった。この結果は次のように解釈できる。

(1)本研究ではAgゼオライトはAgo1という極めて低交換率のものを使用していることから、 高温領域においても Agは互いに孤立している。

(2) NH₃ 導入によって AgNH₃ 複合体を形成したことにより Ag は流動性を失った ²⁰。 上記のうちいずれかまたは両方が考えられる。特に(2)においては AgNH₃は α -cage に位置して いると考えられ、クラスターが安定に生成する β -cage^{11,14,15}には進入できないことが大きな要因 と成りうる。





Fig.6.7 (a) Schematic representation of the gepmetry of AgNH₃. θ and ϕ are bond angle Ag-N-H and H-N-H, respectively. (b) The Energy level of 5s orbital in Ag⁰ and sp³ hybrid orbital in NH₃, and ionization potential of Ag⁰ and NH₃ are also shown in this figure³⁰.

6.4.3 NH3 吸着圧の効果

Fig.6.3 と Fig.6.4 にはそれぞれ NH3 の吸着圧 30、10torr の際の ESR スペクトルを示している。両スペクトルの相違点は以下の通りである。

(1)77K のブロードなシグナルにおいて、10 torr では明らかに 150K における adduct1 のシ ャープなシグナルが混在しているのが観測された。

(2)150Kのスペクトルにおいて 10torr では Ag 原子のシグナルが得られたのにたいして、

30torrでは観測されなかった。

(1)の事実は、77K における γ 線照射直後の AgNH₃ と Ag(NH₃)₂の混在比が吸着圧に関係して いる事を示している。つまり、NH₃吸着圧が低い時には Ag(NH₃)が優先的に生成し、吸着圧の増 加に伴って、Ag(NH₃)₂の量が増えていくと考えられる。 このことからも、Ag_{0.1}Na_{11.9}A ゼオラ イト中では Ag(NH₃)が安定に存在する事を示唆される。

(2)の事実より、得られた Ag 原子のシグナルは明らかに、未反応の Ag+に由来している事が わかる。しかしながら、10torr においては Ag(NH₃)₂の生成も確認されている。前述の通り、Ag+ は S2'サイトに優先的に存在しており、NH₃はこのサイトには進入できない。未反応 Ag+が 10torr で出現し、30torr では見られないのは、明らかに Ag+の移動が吸着量に依存している事 を示している。

6.4.4 Ag 交換率の効果

Ag₆Na₆A ゼオライトなどの高交換ゼオライトでは、NH₃を導入しない系においてγ線照射 後室温付近で Ag₆ⁿ⁺クラスターカチオンが観測されているのに対し、今回用いた Ag_{0.1}Na_{11.9}A ゼ オライトではクラスターの生成は Ag₃²⁺にとどまった。これは、明らかにクラスターが安定に生 成する β-cage 中に Ag⁺が不足している事を示している。

Michalik ら¹⁸が高交換率を有する Ag ゼオライト中で報告した AgNH₈の ESR パラメーター は我々が観測したものと大きく異なっている; $g_{150}=1.971$ 、 $a(^{109}Ag)_{150}=a(^{14}N)_{150}=14.5$ mT。しかし ながら、彼らが観測した 4 本線は Ag₆Na₆A の 100K、 Ag₁Na₁₁A の 180K で観測されたのに対し て、本研究で用いた Ag_{0.1}Na_{11.9}A では 240K までの昇温ではこの 4 本線は観測されなかった。 ESR パラメーターの違いは Ag 交換率の違いに影響されている可能性があるが、現在のところ両 者の関係は不明である。

6.5 まとめ

Ag 低交換率を有する Ag0.1Na11.9A ゼオライト中に 77K でγ線照射を行なうと Ag 原子が生

成した。Ag 原子の ESR よりゼオライト中の 2 種のサイトに Ag 原子が位置していることが示唆 された。さらに、その後昇温によって、Ag³⁺、Ag³⁺の Ag クラスターの生成が確認された。上記 Ag ゼオライトに NH³を導入後、γ線照射を行なうと、AgNH³ 複合体による ESR スペクトルが 観測できた。77K における ESR スペクトルは AgNH³ と Ag(NH³)²の混在を示しており、昇温に よって熱的により不安定と考えられる Ag(NH³)²が消滅し、AgNH³のみの ESR を観測すること ができた。ESR シミュレーションによって実験パラメーターを決定した。この実験値は NH³ が sp³ 軌道をとっていると仮定して分子軌道法による計算結果とよい一致を示した。Ag⁺は水溶液 中で NH³ と 2 配位化合物を安定に形成する事が知られているが、本研究の結果、AgA ゼオライ ト中では逆に 1 配位が安定に生成した。これは、ゼオライトの立体的な効果があられていると考 えられる。ゼオライト中において NH³ は β-cage の中に進入できない事から、Ag⁺は NH³ 導入時 若しくはγ線照射の際に β-cage 表面(α-cage)に移動し、ここで複合体を形成していると考えら れる。

また、Ag ゼオライト中では Ag クラスターの生成は認められなかった。これは、Ag の交換率 が低いこと、または NH₃ 複合体の形成によって Ag⁺が流動性を失ったことで説明可能である。

- 1. M. Shiotani and M. Lindgren, Molecular Engineering, 4, 179, 1994.
- 2. T. Wasowics, J. Mikosz, J. Sadlo, and J. Michalik, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 1487, 1992.
- 3. Y. Kim and K. Steff, J. Am. Chem. Soc., 99, 7055, 1977.
- 4. Y. Kim and K. Steff, J. Am. Chem. Soc., 100, 6989, 1978.
- L. R. Gellenes, W. J. Mortier, R. A. Schoonheydt and J. B. Uytterhoeven, J. Phys. Chem., <u>85</u>, 2783, 1981.
- 6. T. Sun and K. Steff, Chem. Rev., 94, 857, 1994.
- A. Abou-Kais, J. C. Vedrine and C. J. Naccache, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2, <u>74</u>, 959, 1978.
- 8. M. Narayama and L. Kevan, J. Chem. Phys., 76, 3999, 1982.
- 9. J. Michalik, Appl. Magn. Reson., 10, 507, 1996.
- 10. D. R. Brown and L. Kevan, J. Phys. Chem., 90, 1129, 1986.
- 11. R. Morton and K. F. Preston, J. Magn. Res., <u>68</u>, 121, 1986.
- 12. B. Xu and L. Kevan, J. Phys. Chem., 95, 1147, 1991.
- 13. T. Wasowicz and J. Michalik, Radiat. Phys. Chem., <u>37</u>, 427, 1991.
- 14. A. A. van der Pol, E. J. Reijerse, E. de Boer, T. Wasowicz, and J. Michalik, Mol. Phys., 75, 37, 1992.
- 15. J. Michalik, A. van der Pol, E. J. Reijerse, T. Wasowicz, and E. de Boer, *Appl. Magn. Reson.*, <u>3</u>, 19, 1992.
- J. Michalik, T. Wasowics, A. van der Pol, E. J. Reijerse and E. de Boer, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 29, 1992.
- 17. J. Michalik, M. Zamadics, J. Sadlo and L. Kevan, J. Phys. Chem., <u>97</u>, 10440, 1993.
- 18. J. Michalik, T. Wasowics, J. Sadlo and A. van der Pol, Colloids and Surfaces A, 72, 81, 1993.
- 19. J. Michalik, N. Azuma, J. Sadlo and L. Kevan, J. Phys. Chem., <u>99</u>, 4686, 1995.
- 20. J. Michalik, J. Sadlo, J.-S. Yu, and L. Keven, Colloids and Surfaces A, 115, 239, 1996.
- 21. J. Michalik, Appl. Magn. Reson., 10, 507, 1996.
- 22. R. Kellerman and T. Texter, J. Chem. Phys., 70, 1562, 1979.
- 23. G. A. Ozin and F. Hugues, J. Phys. Chem., 87, 94, 1983.
- 24. G. A. Ozin and F. Hugues, S. M. Mattar, D. F. McIntosh, J. Phys. Chem., 87, 3445, 1983.
- 25. G. A. Ozin, M. D. Baker and J. Godber, J. Phys. Chem, 88, 4902, 1984.
- 26. G. A. Ozin, M. D. Baker and J. Godber, J. Phys. Chem, 89, 305, 1985.

- 27. M. C. R. Symons and C. K. Alesbury, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1, 78, 3629, 1982.
- 28. J. Sohma and M. Shiotani, ACS Symposium Series, 34, 141, 1976.
- 29. B. A. Goodman and J. B. Raynor, Adv. Inorg. Chem. Radiochem., 13, 135, 1970.
- P. W. Atkins and M. C. R. Symons, in *the Structure of Inorganic Radicals*, Elsevier Amsterdam, p21, 1967.
- 31. Handbook of Chemistry and physics, 74th Edition, 1993-1994, CRC Press.
- 32. H. M. Maurer and A. Weiss, J. Chem. Phys., <u>69</u>, 4046, 1978.
- 33. M. Hartmann and B. Boddenberg, Stud. Surf. Sci. Catal., 105, 479, 1997.
- 34. Y. Kim and K. Seff, J. Phys. Chem., 82, 1071, 1978.
- 35. S. Schlick and L. Kevan, Chem. Phys. Lett., <u>38</u>, 505, 1976.
- 36. K. Aomura and K. Ogawa, Hyomen, 20, 259, 1982.
- 37. F. A. Cotton and G. Wilkinson, in *Advanced Inorganic Chemistry*, Wiley-Interscience, New York, 4th edn, p.970, 1972.
- 38. P. H. Kasai, J. Chem. Phys., 43, 3322, 1965.
- 39. H. Yahiro, M. Nagata, M. Shiotani, M. Lindgren, H. Li and A. Lund, Nukleonika, 42, 557, 1997.
- 40. M. Nagata, H. Yahiro, M. Shiotani, M. Lindgren and A. Lund, Chem. Phys. Lett., 256, 27, 1996.
- 41. H. Li, A. Lund, M. Lindgren, E. Sagstuen and H. Yahiro, Chem. Phys. Lett., 271, 84, 1997.
- 42. P. H. Kasai and D. McLeod Jr., J. Am. Chem. Soc., 6602, 1975.
- 43. G. W. Neilson and M. C. R. Symons, J. Chem. Soc. Faraday Trans 2, 68, 1772, 1972.

第七章 総括

本研究では、種々のマトリックスを用い、低温放射線照射によって得られるイオンラジカル種 の電子構造や反応を分光学的および理論的に検討した。ラジカル種は不対電子を有する事から 一般に反応活性種である。従ってラジカル種は化学反応の中間体と成りうる事から極めて重要 な化学種であり、その電子構造や反応を検討する事は興味深い研究の一つと言える。本研究では、 2-メチルテトラヒドロフラン (2-MTHF)、フルオロカーボンさらにゼオライトをマトリックス として用いる事により、目的とするラジカル種を低温において安定に捕捉し分光法による観測 を行なった。さらに、分子軌道法を用いた理論的アプローチによりラジカル種の電子構造の評価 を行なった。得られた、理論値は実験値を満足するものであった。この事により、実験で得られ たパラメーターを理論的に解釈する事できた。

第二、三章では有機化合物の一つであるアセチレンおよびそのメチル置換体のアニオンラジカ ルを取 り扱った。いずれの化合物も負の電子親和力を有する事から、アニオンラジカルは極め て不安定と考えられる。しかしながら、 γ線照射により低温固相 2-MTHF マトリックス中で安 定に生成し、ESR および電子スペクトルによる観測に成功した。いずれのアニオンラジカルにお いても、選択的 ²D または ¹³C 置換体の EPR を観測し、より正確かつ詳細な解析を行なう事がで きた。それぞれの ESR はエチニルプロトンによる hf の異方性ならびに g 値の異方性に特徴づけ られた。これらのパラメーターは分子構造を敏感に反映している。そこで、本研究では分子軌道 法による ESR パラメーターの評価を行った。特に、ANADIP を用いた異方性 hf テンソルの評価 では、実験値を極めてよく再現する事ができた。実験及び計算結果より、いずれのアニオンラジ カルも 2-MTHF マトリックス中でトランス型に曲がった構造をとることが分かった。アニオン ラジカルの電子配置は中性分子の電子励起状態のそれと類似していると考えられる。事実、励起 状態においてもトランス型に曲がった構造をとることが報告されている。

アセチレンのアルキル置換効果を検討した結果、アセチレンアニオンラジカルでは対称性から 不対電子は二つの炭素に完全に対称的に分布しているのに対し、メチルアセチレンアニオンラ ジカルでは二つの sp 炭素内での各軌道への不対電子分布は異なっていることが INDO 法より評 価された。この効果の実験的考察を行なうためには、今後炭素を¹³C でラベルした化合物を用 いた検討をする事が望まれる。



アセチレンアニオンラジカルにおいては、2-MTHF 中 77K で入≧450nm の光照射を行なう 事により定量的にビニリデンアニオンラジカルに異性化反応を起す事が分かった。この反応は、 これまでアルカリ金属カチオン存在下でのみ観測されており、ここで金属カチオンはビニリデ ンアニオンラジカルの安定化効果を及ぼしている。ところが、本研究では、2-MTHF マトリック ス中、金属カチオン不在で安定にこの反応を観測する事ができた。一方、同様にアニオンラジカ ルのマトリックスとして用いられてきた 3-MP ではこの反応を観測する事ができなかった。いず れのマトリックスも剛体マトリックスとして知られているが、前者が極性であるのに対して、 後者は非極性である。従って、2-MTHF はビニリデンアニオンラジカルを束縛状態として安定 化するために十分に剛性でありかつ極性であることからこの異性化反応を観測できたものと考 えられる。

電子スペクトルの測定結果またこれに対する分子軌道計算の結果から、この反応はアセチレンの基底状態²B₂より励起状態²A₁への電子遷移に起因することが示唆された。



本研究ではg値の評価も行った。計算結果は実験値の傾向を定性的に再現していたものの、計算値の負シフトに関しては、そのシフト幅は実験値に比べて小さく、定量的な再現には至らなかった。これは、分子軌道のエネルギー評価が精度が低いために生じた結果である。今回は、炭素 2p 軌道までしか扱わず、従ってシンプルな AM1 法を用いたが、今後は精度を向上させることが必要である。

第四章では、選択的フッ素置換ベンゼンカチオンラジカルの ESR を観測し、その電子構造について議論した。この研究の焦点はフッ素置換位置または置換数による電子構造の変化であった。 以前、C₆H₆+、C₆F₆+の ESR が報告され、それぞれ b_{8g}(S タイプ)、b_{1g}(A タイプ)と異なる電子構造を有する事が分かっている。本研究で用いたフッ素置換ベンゼンにおいても、フッ素と水素の置換位置を逆転させることにより、電子構造も A ⇔ S の逆転が起こる事が分かった。



それぞれの ESR スペクトルは、フッ素による軸対称異方性 hf を示し、さらに g 値は $g_1 > g_\parallel$ であったことから、いずれも平面 π 型ラジカルである事が分かった。また、それぞれ母分子と同様の電子構造を有することが分かった。

本研究においても、分子軌道計算による実験値の評価を試みた。*ab initio* 法による構造最適化 の結果、A タイプは結合性軌道において結合が伸長し、S タイプは反結合性軌道に置いて結合が 縮小するという特徴が見られた。また、INDO 法によって評価した電子密度分布は、実験結果と 完全に対応した。hf の計算では水素の hf は実験値と良い一致が得られ、フッ素の hf は等方性、 異方性ともに実験値を大きく上回る結果となった。しかし、2s、2pz スピン密度の計算値に対し て、それぞれ hf の等方性項(*a*_{iso})、異方性項(2*B*)をプロットした結果、両者に良い相関がえられ た。これは、INDO から *π*型フッ素 hf を評価する際の一つの基準と成りうる興味深い結果であ る。事実、フルオロオレフィンカチオンラジカルの ¹⁹Fhf も、この関係を満たしている。

第四章では、選択的フッ素置換エチレンおよびプロビレンカチオンラジカルの電子構造につい て議論した。エチレンおよびプロビレンカチオンラジカルが非平面構造をとることが報告され ていることから、フッ素置換が及ぼす構造への影響に興味が持たれた。ESR と分子軌道計算の結 果、フッ素置換体カチオンラジカルはいずれも平面構造をとることが分かった。エチレンやプロ ビレンカチオンラジカルではプロトンの超共役効果から非平面構造を取るのに対し、フッ素置 換体はフッ素のπ共役により平面構造が安定化されると考えられた。フッ素置換体の中で、 CH₂=CFCH₃はフッ素を一つしか持たないにもかかわらず、カチオンラジカルは平面構造をと っている事から、フッ素の共役効果が構造に大きな影響を及ぼしている事が示唆された。また、 置換体の hf の比較より、フッ素置換により b 炭素のスピン密度が増加する傾向がある事が分か った。これは、フッ素のπ軌道への逆供与効果により説明できた。

また、本研究ではカチオンラジカルを経由して生成した、種々のフッ素付加ラジカルの帰属も 併せて行った。

第五章では、Ag 交換ゼオライトへの低温 γ 線照射による Ag⁺の挙動、さらには NH₃ 導入による Ag-NH₃ 複合体の ESR を観測した。Ag 低交換率を有する Ago₁Na_{11.9}A ゼオライト中への低温 γ 線照射では、ゼオライト中の 2 種のサイトに Ag 原子が位置していることが示唆された。さらに、 その後昇温によって、Ag²⁺、Ags²⁺の Ag クラスターの生成が確認された。さらに、上記 Ag ゼオラ イトに NH₃ を導入後、 γ 線照射を行なうと、クラスターはもはや生成せず、AgNH₃ 複合体の生 成が確認された。77K における ESR スペクトルは AgNH₃ と Ag(NH₃)₂の混在を示しており、昇 温によって熱的により不安定と考えられる Ag(NH₃)₂ が消滅し、AgNH₃のみの ESR を観測する ことができた。ESR シミュレーションによって実験パラメーターを決定した。この実験値は NH₃ が sp³軌道をとっていると仮定して分子軌道法による計算結果とよい一致を示した。AgNH3 複 合体の ESR は Ag の二つの同位体、¹⁰⁷Ag、¹⁰⁹Ag の混在スペクトルを示し、その線形はやや複 雑であり、精度の高い ESR パラメーターを求めるには至らなかった。今後、¹⁰⁷Ag 若しくは ¹⁰⁹Ag を用いた実験により ESR を簡素化し精度良いパラメーターを求める事が必要であろう。また、 Ag(NH₃)₂の信号はブロードであり、全くパラメーターを求める事はできなかった。これは、 ENDOR を用いた hf の評価で解決可能であると考える。

謝辞

本研究は塩谷 優教授の指導のもと広島大学工学部工業物理化学研究室で行ったものであり、 同教授の適切かつ親切なご指導に対して深く感謝の意を表します。

本論文をご閲覧いただきました、九内 淳堯教授、大坪 徹夫教授、広川 健教授に深く感謝致 します。

第一章、二章において、分子軌道計算を通じて共同研究に加わっていただいた北海道大学、田 地川 浩人博士に感謝します。さらに、ANADIP プログラムの使用に際して、ご指導頂いたリン シェーピン大学の A.Lund 教授、M.Lindgren 博士に感謝します。また、このプログラムにおい て O.Edlund 博士を始めとする開発に携わられた先生方に深く敬意を表します。また、投稿論 文作成の際、適切なアドバイスを頂きました IBM、P.H. Kasai 博士に感謝いたします。

第三章、四章において共同研究者であり、かつ貴重なアドバイスを頂きました皇学館大学、長 谷川明紀教授に深く感謝の意を表します。

第五章において共同研究者として参加いただいた八尋秀典博士に心より感謝いたします。同博 士は本章のみならずあらゆる研究面でアドバイスを頂きました。また、研究のサポートをしてい ただいた真鍋顕作君並びに上村祐一郎君に感謝いたします。

また、学部4年生より現在に至るまで親切に研究指導頂いた駒口健治博士に深く感謝致します。 さらに、研究に関するアドバイスを頂きました木谷晧助教授に感謝し致します。

博士課程の最後の半年間はスウェーデン、リンシューピン大学にて研究を行ないました。この 間ご指導頂きました A.Lund 教授をはじめとする、同研究室の皆様に深く感謝いたします。

研究に際し、事務面で援助いただいた土肥久子事務官をはじめとする応用化学事務室の皆様 に心より感謝致します。

研究室の学生諸君または OB の皆様に感謝します。特に、中井敏浩君には大変お世話になり深く感謝しております。

最後に、9年間という長い間大学にて学ばせていただきましたが、寛大なる援助並びに理 解いただいた両親に深く感謝致します。

1997年 板垣 吉晃

論文リスト

- Photo-Induced Isomerization of trans-Acetylene Radical Anion to Vinylidene Radical Anion in Solid 2-Methyltetrahydrofuran Y.Itagaki and M.Shiotani, *J. Phys. Chem., Submitting.* (Chapter 2)
- Electronic Structure of Methylacetylene radical Anion: EPR and MO Study Y.Itagaki, M.Shiotani and H.Tachikawa, *Acta Chemica Scandinavica*, 51(2), 220, 1997. (Chapter 3)
- EPR Spectra and Structure of the Radical Cations of Fluorinated Benzenes
 A.Hasegawa, Y.Itagaki and M.Shiotani, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, 1625, 1997.
 (Chapter 4)
- EPR Spectra and Structures of the radical Cations of Fluorinated Ethylenes and Propylenes Y.Itagaki, M.Shiotani, A.Hasegawa and H.Kawazoe, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2, Submitting. (Chapter 5)
- 5. An ESR Study on Silver Atom-ammonia Adduct in γ-irradiated AgNa-A Zeolite with Low Silver Content

H.Yahiro, K.Manabe, Y.Itagaki and M.Shiotani, *J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1*, 94, 805, 1998. (Chapter 6)